CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN



UNIDAD QUERETARO

Desactivación eléctrica en cristales de silicio altamente dopado con arsénico

Tesis que presenta



Joel Andrés Calderón Guillén /

para obtener el Grado de

Maestro en Ciencias

en la Especialidad de

Materiales

Director de tesis: Dr. Alberto Herrera Gómez

Santiago de Querétaro, Qro. noviembre de 2002



CLAS DIE PROCES Sero. Biblion s_

Agradecimientos

Agradezco y dedico muy especialmente esta tesis a:

Mi padre: Eduardo Calderón Amador †

Pues donde quiera que se encuentre estará satisfecho, ya que su esfuerzo de ofrecernos una educación no fue en vano.

Mi madre: Trinidad Guillén Armenta

Quien con su bondad y sentimientos siempre esta conmigo.

Mi compañera y esposa: Maxi Gpe. Luque Mascareño

Ya que su apoyo y comprensión ha sido determinate en la realización de esta meta.

A mi hijo: Joel Andrés

Pues con sus sonrisas y juegos me enseña que la vida es graciosa, hermosa y llevadera. A mis familiares y amigos

A todos ellos, suegros, hermanos y compañeros de generación gracias por apoyarnos mutuamente y por tolerarnos durante este tiempo.

Escuela de Ingeniería de Los Mochis de la U.A.S.

Quienes con su apoyo económico ha sido posible llegar a concluir estos estudios. Especialmente quiero agradecer al del Ing. Eleazar Luna Barraza por su desinteresado compañerismo que ha mostrado.

CINVESTAV-QRO

Pues la eficiencia de cada uno de sus trabajadores se ve reflejado en los logros obtenidos y este en especial, es parte ellos. En especial quisiera resaltar la enorme labor que realiza el personal a cargo de la Coordinación Académica que acertadamente dirige el Dr. Arturo Mendoza Galván.

Investigadores del CINVESTAV-QRO

Ya que las enseñanzas obtenidas de todos ellos han sido de gran ayuda en la culminación del presente trabajo, además de la confianza y amistad que me han brindado. El gran esfuerzo que han realizado cada uno de ellos en sacar adelante este proyecto de maestría es digno de alabarse felicidades a todos.

Existen dos personas de la que no puedo pasar por alto:

A mi compañero: M.C. Servando Aguirre Tostado

Quien de forma muy entusiasta y desinteresada estuvo apoyándome con sus conocimientos durante la realización del presente trabajo

A mi director de tesis: Dr. Alberto Herrera Gómez

Porque su apoyo no solo se limitó a dirigir acertadamente esta tesis, sino que además de sus brillantes ideas, me ofreció una confianza y amistad, mismas que favorecieron el ambiente de trabajo.

Por último expreso mi agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia por la beca otorgada, al Centro de Investigación de Estudios Avanzados del I.P.N por darra la oportunidad de ingresar y permanecer en esta Unidad Querétaro y a la Universidad Autónoma de Sinaloa que con el Programa de Mejoramiento del Profesorado a hecho posible que un servidor esté en estos momentos por obtener el grado de Maestro en Ciencias.

| Ínc | Indice de Tablasiii | | | | |
|------|--------------------------------|-----------|---|-----|--|
| Índ | Índice de Figuras iv | | | | |
| Re | sumen. | | | ix | |
| Ab | stract | | | X | |
| Ι. | I. Introducción y Antecedentes | | | 1 | |
| | I.A. | Descrip | ción de la Tesis | 1 | |
| | I.B. | Anteced | entes | 1 | |
| | | I.B.1. | Dopado de silicio | 1 | |
| | | I.B.2. | Ruta crítica de desarrollo tecnológico (Roadmap) | 2 | |
| | I.C. | Descrip | ción de EXAFS | 4 | |
| | | I.C.1. | Fuente de luz | 4 | |
| | | I.C.2. | Espectro de absorción EXAFS | 9 | |
| | I.D. | Cálculo | s teóricos de los parámetros EXAFS | 16 | |
| | I.E. | Estudios | s de SIMS | 16 | |
| | I.F. | Descripe | ción del proyecto | 17 | |
| | | I.F.1. | Elaboración y caracterización de las muestras | 17 | |
| | | I.F.2. | Descripción general del trabajo a desarrollar | 18 | |
| | Biblio | grafia | | 19 | |
| II. | Obje | tivos | | 21 | |
| | II.A. | Objetivo | General | 21 | |
| | II.B. | Objetivo | os específicos | 21 | |
| III. | Resu | ltados Ex | sperimentales | 22 | |
| | III.A. | Resultad | los de EXAFS | 22 | |
| | III.B. | Tratamie | ento de los datos experimentales de XAS | 23 | |
| | | III.B.2. | El espacio k | 24 | |
| | | III.B.3. | El espacio R | 25 | |
| | III.C. | Estudios | de SIMS | 30 | |
| IV. | Desc | ripción d | el Modelo Físico | 33 | |
| | IV.A. | Proceso | de desactivación eléctrica | 33 | |
| | IV.B. | Modelos | s Teóricos | 33 | |
| | IV.C. | Formula | ción Matemática | 34 | |
| | | IV.C.1. | Sistema de Referencia | 34 | |
| | | IV.C.2. | Trayectorias Modelo 1 (V-As ₄) | 36 | |
| | | IV.C.3. | Trayectorias Modelo 2 (As3-V-Si) | 41 | |
| | | IV.C.4. | Trayectorias Modelo 3 (As2-V-Si2) | 46 | |
| | | IV.C.5. | Trayectorias Modelo 4 (Si ₄ -As ₁) | 51 | |
| | Biblio | grafia | | 54 | |
| V. | Desc | ripción d | el Software | .55 | |
| | V.A. | Esquema | a de Funcionamiento del Programa | 56 | |
| | | V.A.2. | Módulo "Data" | 57 | |
| | | V.A.3. | Módulo "Models" | 57 | |
| | | V.A.4. | Módulo "Fitting Parameters" | 58 | |
| | | V.A.5. | Módulo "Data and Fit Plot K-space" | 59 | |
| | | V.A.6. | Módulo "Data and Fit Plot R-space | 59 | |

Contenido

| | V.A.7. Módulos "Result Plot" y "Result Table" | 60 | |
|------------|--|-----|--|
| | V.A.8. Módulo "File Editor" | 60 | |
| | V.A.9. Módulo "Miscellaneous" | 61 | |
| V.B. | Diagrama de flujo de la rutina de ajuste | 61 | |
| | V.B.2. Subrutina ObtainBestParametersLevenberg() | 65 | |
| Biblic | grafia | 69 | |
| VI. Aná | lisis y Discusión | 71 | |
| VI.A. | Consideraciones generales | 71 | |
| VI.B. | Consideraciones especiales durante el ajuste | 72 | |
| VI.C. | Discusión de los resultados del análisis | 74 | |
| VII. Con | clusiones y Perspectivas | | |
| VII.A | Conclusiones | 76 | |
| VII.B. | Perspectivas y trabajo futuro | 76 | |
| Apéndice | A: Fases y Amplitudes | | |
| Α. | Modelo 1 (V-As ₄) | 77 | |
| B. | Modelo 2 (Si-V-As ₃) | 80 | |
| C. | Modelo 3 (Si ₂ V-As ₂) | 81 | |
| D. | Modelo 4 (Si ₄ -As) | 82 | |
| Apéndice | B: Código fuente de la rutina de ajuste | | |
| A. | Programa principal | 83 | |
| B. | FitAllFiles() | 83 | |
| C. | CreateFreeVariablesVectorWithModel() | 85 | |
| D. | GetXExpChainandYExpChainandTotNumP() | 87 | |
| E. | GetAllFits() | 88 | |
| F. | F. ObtainBestParametersLevenberg() 8 | | |
| G. | G. mrqmin() 9 | | |
| H. | GetCalculationsAndIAs() | 93 | |
| I. | mrqcof() | 94 | |
| J. | CalculateYCalChainAndGradientCalChain() | 95 | |
| K. | CalculateYCalChainAndGradientCalChainAbs() | 95 | |
| L. | CalculateYCalChainAndGradientCalChainReAndIm() | 96 | |
| Μ. | :CopyNewValuesToFreeParameters() | 97 | |
| N. | GetAllGradientsKspace() | 99 | |
| О. | GetAllGradientsRspace() | 102 | |
| Ρ. | GetChiSqModels() | 106 | |
| Q. | ChiSqModels() | 108 | |
| R. | GradChiSqModels() | 109 | |
| S. | GradChiSqModelsAbs() | 109 | |
| Τ. | GradChiSqModelsReAndIm() | 118 | |
| U. | GetFitAndChisqModels() | 131 | |
| V. | GetOneFitAndChiSqrModels() | 132 | |
| W. | GetOneFitAndChiSqrModelsAbs() | 132 | |
| Χ. | X. GetOneFitAndChiSqrModelsReAndIm 12 | | |
| Bibliograf | Bibliografía 136 | | |

Índice de Tablas

| Tabla I.1 | Nomenclatura de las muestras a estudiar | 18 |
|------------|---|----|
| Tabla 1.2 | Nomenclatura adicional de acuerdo al espacio de ajuste de los datos | |
| | experimentales | 18 |
| Tabla VI.1 | Porcentajes de cada uno de los modelos en el ajuste de los datos | |
| | experimentales para las muestras de 500-900 °C de tratamiento térmico, | |
| | comparadas con la de sin tratamiento (ST). | 74 |
| Tabla .1 | Concentrado de las diferentes trayectorias que tiene el fotoelectrón para | |
| | una estructura correspondiente al modelo 1 | 77 |
| Tabla .2 | Fases y amplitudes calculadas a través del programa feff.exe de la | |
| | Universidad de Washington | 80 |
| Tabla .3 | Listado de Feffxxx.dat para el modelo, mostrando únicamente las | |
| | primeras 30 trayectorias | 81 |
| Tabla .4 | Listado de feffxxx.dat, obsérvese la variación en la degeneración (deg) | |
| | y la relación de amplitud con respecto al modelo anterior | 82 |
| Tabla .5 | Listado de feffxxx.dat para el modelo Si ₄ As | 82 |

Índice de Figuras

| Figura I.1 | Resultados de los cálculos para la energía total de tres diferentes | |
|-------------|---|----|
| | configuraciones de arsénico en silicio. Las energías por átomo de As | |
| | están dadas para una configuración ideal (líneas punteadas) y para una | |
| | configuración relajada (líneas sólidas), haciendo igual a cero la energía | |
| | idealizada de un átomo de As aislado | 3 |
| Figura I.2 | Distribución de sincrotrones en todo el mundo el cuadro de abajo podría | |
| | incorporarse en la figura | 5 |
| Figura I.3 | Brookhaven National Laboratories, en New York | 6 |
| Figura I.4 | Vista superior del laboratorio, muestra el anillo de VUV que opera con | |
| | energías del electrón hasta de 800 MeV y el anillo de rayos X opera con | |
| | energías del electrón hasta de 2.5 GeV. | 6 |
| Figura I.5 | Imagen que muestra una serie de anillos magnéticos tanto para evitar | |
| | que choquen los electrones con las paredes del anillo, como para restituir | |
| | la energía que se pierde en cada cambio de dirección. | 7 |
| Figura I.6 | Cambio en la dirección de un paquete de electrones, produce la | |
| | radiación sincrotrón. | 7 |
| Figura I.7 | Esquema de funcionamiento de una línea de Luz Sincrotrón | 8 |
| Figura I.8 | Esquema que muestra el experimento realizado para obtener los datos de | |
| | XAS (Espectroscopía de Absorción de Rayos X, por sus siglas en | |
| | inglés) | 8 |
| Figura I.9 | La fuente de radiación Sincrotrón puede cubrir un ancho amplio de | |
| | ondas electromagnéticas, que va desde las micro ondas hasta rayos | |
| | gamma. | 9 |
| Figura I.10 | Esquema que muestra la interacción de la luz con la materia, así como | |
| | los diferentes fenómenos que pueden ser observados y medidos. | 10 |
| Figura I.11 | Espectro de absorción característico de un estudio XAS. | 11 |
| Figura I.12 | Absorción y emisión de un fotoelectrón proveniente del nivel 1s que | |
| | viaja como ondas esféricas | 12 |
| Figura I.13 | Trayectorias posibles que puede seguir un fotoelectrón, tenemos | |
| | dispersión simple (a) y dispersión múltiple (b). | 13 |

| Figura I.14 | Espectro de XAS donde se muestra la diferencia en la absorción de luz | |
|---------------|--|----|
| | de átomos aislados y dentro de una estructura. Las oscilaciones son | |
| | resultado de la presencia de vecinos. Por esta razón. EXAFS provee | |
| | información sobre la estructura local, desglosado donde se muestra la | |
| | contribución del átomo que absorbe. | 14 |
| Figura I.15 | Gráfico de EXAFS normalizado, correspondiente a la muestra sin | |
| | tratamiento térmico. | 15 |
| Figura I.16 | Obsérvese como un ion de oxigeno de alta energía, incide sobre la | |
| | superficie y desprende iones de las especies presentes, que son | |
| | detectadas por un analizador de masas. | 16 |
| Figura I.17 | Diagrama de flujo general para el desarrollo del proyecto | 17 |
| Figura I.18 | Diagrama de flujo general del trabajo a desarrollar durante la ejecución | |
| | del proyecto de tesis | 19 |
| Figura III.1 | Datos de XAS obtenidos directamente en el sincrotrón de Brookhaven | |
| | National Laboratories en New York. | 22 |
| Figura III.2 | Datos obtenidos de los estudios de XAS que corresponden a la región | |
| | extendida oscilatoria (EXAFS), la primera sin tratamiento térmico (S/T) | |
| | y el resto con tratamientos de 500-1000 °C. | 23 |
| Figura III.3 | Espectro completo de un estudio XAS del As K-edge | 24 |
| Figura III.4 | Datos de EXAFS en el espacio k , pesados con k^1 | 25 |
| Figura III.5 | Datos de EXAFS en el espacio R, muestra Sin Tratamiento térmico y | |
| | muestra tratada a 400°C | 26 |
| Figura III.6 | Datos de EXAFS en el espacio R, imágenes sobrepuestas de las | |
| | muestras a ST, 500 y 600°C de tratamiento térmico | 26 |
| Figura III.7 | Datos de EXAFS en el espacio R de muestras tratadas térmicamente de | |
| | 600-1000°C. | 27 |
| Figura III.8 | Datos de EXAFS, parte real de la transformada de Fourier | 28 |
| Figura III.9 | Datos de EXAFS, parte imaginaria de la transformada de Fourier | 29 |
| Figura III.10 | Figura que muestra los datos obtenidos por SIMS y como se observa a | |
| | 4000Å de la superficie tenemos una cantidad significativa de dopantes | |
| | por arriba de 7.00E+020 As/cm3 | 31 |

| Figura IV.1 | Modelos físicos propuestos fundamentados por Pandey et al. | 34 |
|--------------|--|----|
| Figura IV.2 | Localización de los primero y segundos vecinos a una Vacancia (o | |
| | arsénico) respecto al sistema X-Y-Z. | 35 |
| Figura IV.3 | Traslación de ejes de referencia de la vacancia al átomo de arsénico que | |
| | absorbe. | 35 |
| Figura IV.4 | Trayectoria 1. Nombre: Feff0001. Contribución: 100%. Número de | |
| | ramales: 2. | 37 |
| Figura IV.5 | Trayectoria 2. Nombre Feff0002. Contribución 71.91%. Número de | |
| | ramales: 2. | 37 |
| Figura IV.6 | Trayectoria 3. Nombre Feff0003. Contribución 29.78%. Número de | |
| | ramales: 2. | 37 |
| Figura IV.7 | Trayectoria 4. Nombre Feff0004. Contribución 3.875%. Número de | |
| | ramales: 3. d_T es la distancia total promedio del recorrido de la | |
| | trayectoria | 38 |
| Figura IV.8 | Trayectoria 5. Nombre Feff0005. Contribución 27.9%. Número de | |
| | ramales: 3 | 38 |
| Figura IV.9 | Trayectoria 6. Nombre Feff0006. Contribución 58.41%. Número de | |
| | ramales: 2 | 39 |
| Figura IV.10 | Trayectoria 8. Nombre Feff0008. Contribución 4.48%. Número de | |
| | ramales: 4 | 39 |
| Figura IV.11 | Trayectoria 9. Nombre Feff0009. Contribución 3.80%. Número de | |
| | ramales: 3 | 40 |
| Figura IV.12 | Trayectoria 10. Nombre Feff0010. Contribución 12.20%. Número de | |
| | ramales: 3. | 40 |
| Figura IV.13 | Trayectoria 1. Nombre Feff0001. Contribución 100%. Número de | |
| | ramales: 2 | 41 |
| Figura IV.14 | Trayectoria 2. Nombre Feff0002. Contribución 79.91%. Número de | |
| | ramales: 2 | 42 |
| Figura IV.15 | Trayectoria 3. Nombre Feff0003. Contribución 19.856%. Número de | |
| | ramales: 2 | 42 |
| | | |

vi

| Figura IV.16 | Trayectoria 4. Nombre Feff0004. Contribución 3.872%. Número de | |
|--------------|--|----|
| | ramales: 3 | 43 |
| Figura IV.17 | Trayectoria 5. Nombre: Feff005. Contribución: 27.877%. Número de | |
| | ramales: 3. | 43 |
| Figura IV.18 | Trayectoria 6. Nombre: Feff006. Contribución: 58.41%. Número de | |
| | ramales: 2. | 44 |
| Figura IV.19 | Trayectoria 8. Nombre: Feff008. Contribución: 4.472%. Número de | |
| | ramales: 4. | 44 |
| Figura IV.20 | Trayectoria 9. Nombre: Feff009. Contribución: 4.428%. Número de | |
| | ramales: 3. | 45 |
| Figura IV.21 | Trayectoria 10. Nombre: Feff010. Contribución: 12.19%. Número de | |
| | ramales: 3. En la figura se colocó únicamente una trayectoria genérica | |
| | para los tres tipos existentes. | 46 |
| Figura IV.22 | Trayectoria 1. Nombre Feff0001. Contribución 100%. Número de | |
| | ramales: 2 | 47 |
| Figura IV.23 | Trayectoria 2. Nombre Feff0002. Contribución 87.905%. Número de | |
| | ramales: 2 | 47 |
| Figura IV.24 | Trayectoria 3. Nombre Feff0003. Contribución 9.929%. Número de | |
| | ramales: 2 | 48 |
| Figura IV.25 | Trayectoria 4. Nombre Feff0004. Contribución 3.869%. Número de | |
| | ramales: 3 | 48 |
| Figura IV.26 | Trayectoria 5. Nombre: Feff005. Contribución: 27.848%. Número de | |
| | ramales: 3. | 49 |
| Figura IV.27 | Trayectoria 6. Nombre: Feff006. Contribución: 58.41%. Número de | |
| | ramales: 2. | 49 |
| Figura IV.28 | Trayectoria 8. Nombre: Feff008. Contribución: 4.472%. Número de | |
| | ramales: 4. | 50 |
| Figura IV.29 | Trayectoria 9. Nombre: Feff009. Contribución: 5.058%. Número de | |
| | ramales: 3. | 50 |
| Figura IV.30 | Trayectoria 10. Nombre: Feff010. Contribución: 12.18%. Número de | |
| | ramales: 3. | 51 |

| Figura IV.31 | Trayectoria 1. Nombre Feff0001. Contribución 100%. Número de | |
|--------------|---|----|
| | ramales: 2 | 52 |
| Figura IV.32 | Trayectoria 2. Nombre Feff0002. Contribución 71.9%. Número de | |
| | ramales: 2 | 52 |
| Figura IV.33 | Trayectoria 3. Nombre Feff0003. Contribución 5.8%. Número de | |
| | ramales: 3 | 53 |
| Figura IV.34 | Trayectoria 4. Nombre: Feff004. Contribución: 27.8%. Número de | |
| | ramales: 3. | 53 |
| Figura IV.35 | Trayectoria 5. Nombre: Feff005. Contribución: 43.81%. Número de | |
| | ramales: 2. | 54 |
| Figura V.1 | diagrama de funcionamiento global del software desarrollado | 56 |
| Figura V.2 | Esquema que muestra las virtudes del modulo para la captura de los | |
| | datos experimentales, tambien se pueden tratar los datos para realizar | |
| | presentaciones en otro software como por ejemplo "Origen" | 57 |
| Figura V.3 | Esquema que muestra el manejo de las variables que intervienen en la | |
| | ecuación de EXAFS. Para cada modelo se realizó este mismo modulo. | 58 |
| Figura V.4 | Diagrama de flujo del programa principal de ajuste de datos | 62 |
| Figura V.5 | Diagrama de flujo de FitAllFiles () | 63 |
| Figura V.6 | Continuación del diagrama de flujo de FitAllFiles(). | 64 |
| Figura V.7 | Diagrama de flujo de la subrutina ObtainBestParametersLevenberg() | 65 |
| Figura V.8 | Continuación del diagrama de flujo de la subrutina | |
| | ObtainBestParametersLevenberg(). | 66 |
| Figura V.9 | Continuación del diagrama de flujo de la subrutina | |
| | ObtainBestParametersLevenberg(). | 67 |
| Figura V.10 | Diagrama de flujo de subrutina mrqmin() | 68 |
| Figura VI.1 | Ajuste de cuatro archivos de datos experimentales | 73 |
| Figura VI.2 | En esta figura se muestra la influencia de cada uno de los modelos y su | |
| | variación con respecto a la temperatura de tratamiento | 74 |
| Figura VI.3 | Estructura del defecto producido por la vacancia | 75 |

Resumen

El silicio puede ser dopado con arsénico a niveles por arriba de su solubilidad, resultando en un sistema en cuasiequilibrio. La desactivación eléctrica de los átomos de arsénico es lograda a temperatura ambiente en periodos mayores a los diez años, v en segundos a 1000°C. En este trabajo se reporta la estructura de los defectos responsables de la desactivación eléctrica de impurezas de arsénico en cristales de silicio cuando estas muestras son sometidas a tratamientos térmicos entre 500 y 1000°C. En un trabajo anterior, sustratos de silicio(100) fueron implantados con arsénico y licuados por láser, logrando así una densidad activa y uniforme de ~1x1021 átomos por cm³ en los primeros 4000Å de la oblea. Esto corresponde a una concentración activa cinco veces por encima de su nivel de equilibrio a temperatura ambiente. El perfil de dopaie fue determinado a través de estudios de SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy). En la literatura existe un cierto consenso de que la desactivación eléctrica es causada por agregados de arsénico alrededor de vacancias (As4-V, As1-V-Si y As1-V-Si). La técnica de Extended X-Ray Absorption Fine Structure (EXAFS), aplicada al nivel As 1s, fue usada para determinar los detalles de la estructura local de estos agregados y su concentración en función de la temperatura. Para incorporar las simetrías de estos defectos en el análisis de los datos EXAFS, se creó un software de más de 22 mil líneas. La deformación local se describió con parámetros adimensionales correspondiente a los desplazamientos axiales de los primeros y segundos vecinos centrados en la vacancia. Los parámetros que se contemplan en el software son, además de aquellos incluidos en la teoría de EXAFS, los parámetros adimensionales arriba mencionados. Los resultados obtenidos en el ajuste muestran una concordancia con la investigación realizadas por Berding et al., la cual reporta que la presencia del agregado del tipo As,-V-Si, se incrementa con la temperatura de tratamiento. Chadi, Pandey y otros calcularon, por primeros principios. que la longitud del arsénico con su primer vecino silicio es del orden de 2.38 y 2.40Å. respectivamente, mientras que nuestros ajustes mostraron una longitud de 2.32-2.38Å dependiendo del modelo.

Abstract

Silicon can be doped with arsenic at levels above its solubility limit, yielding to systems in quasiequilibrium. At room temperature, the lifetime of electrically-active arsenic impurities is longer than ten years, although it is of the order of seconds at 1000 °C. From previous reports (experimental and first principle calculations), it was proposed that the electrical deactivation is produced by arsenic cluster around the vacancies (As4-V, As3-V-Si, As2-V-Si2, As-Si4). In this work it is reported the detail of the structure of theses defects, and its dependence with temperature (500 to 1000 °C). In a previous work, silicon (001) wafers were implanted with arsenic impurities through laser melting, obtaining an active and uniform density of ~1x1021/cm3 in the first 4000Å of the substrate. This corresponds an active concentration five times above the saturation levels at room temperature. The doping profile was determined by Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS). The details of the local structure was obtained through Extended X-ray Absorption Fine Structure (EXAFS) applied to the 1s level of arsenic. To incorporate the symmetry of this defects in the data analysis of EXAFS, it was developed an ad hoc software of more than 22,000 lines. The local deformation of the first and second neighbors was described with non-dimensional parameters corresponding to the axial displacements from the vacancy. The parameters allowed to vary in the software are, besides those included in the EXAFS theory, non-dimensional parameters mentioned above. The results shows a concordance with the theoretical predictions by Berding et al. The concentration of the As2-V-Si2 cluster increases with the annealing temperature. Chadi Pandey et al calculated from first principles a first-neighbor As-Si distance of 2.38 at 2.40Å, and our results shown a distance in the range of 2.32 to 2.38e of 2.32 to 2.38Å, depending of the model

I. Introducción y Antecedentes

I.A. Descripción de la Tesis

El presente proyecto consistió en determinar los procesos de desactivación eléctrica en silicio altamente dopado con arsénico, para lo cual se tuvo que implementar un software, que auxiliara en la tarea de ajuste de los datos experimentales obtenidos por EXAFS¹ (Extended X-ray Absortion Fine Structure) en el sincrotrón del Brookhaven National Laboratories, en Nueva York. Para el análisis de los datos se propuso un modelo físico basado en las investigaciones ya realizadas,² el cual se muestra de manera amplia en el Capitulo III. La caracterización experimental de las muestras de silicio altamente dopado con arsénico consistente en los estudios de EXAFS y SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) fue obtenida anteriormente, tal como se describe en el Capitulo II. La metodología empleada en la caracterización realizada se muestra en el Capitulo IV, conteniendo también un análisis completo así como las conclusiones que se lograron.

I.B. Antecedentes

I.B.1. Dopado de silicio

El dopaje por difusión ha sido por más de 40 años la tecnología usada por la industria semiconductora para la introducción de impurezas en los circuitos integrados. Los átomos dopantes del silicio más comunes son los elementos del grupo III y V de la tabla periódica. Los dopantes han sido clasificados como donadores o aceptores, dependiendo de si da o acepta electrones al incorporarse al semiconductor. Para el silicio los dopantes donadores más comunes son: Fósforo (P), Antimonio (Sb) y Arsénico (As). Los dopantes aceptores más comunes son: Boro (B), Galio (Ga), Indio (In) y Aluminio (Al).

La difusión en silicio es considerablemente más complicado que una predicción simple de la ley de Fick. Un concepto básico de la teoría de difusión es que los átomos dopantes (para el caso del arsénico) difunden en forma substitucional en la red de silicio y se fijan con la presencia de ciertos defectos, perdiendo además su contribución de portadores eléctricos. La formación de agregados de arsénico influencia fuertemente la difusión de impurezas a altas concentraciones y por años a sido de gran interés el estudio de la formación de agregados de arsénico impurificado en silicio en altos niveles de dopado, pues se ha comprobado su afectación en la desactivación eléctrica con los tratamientos térmicos.

I.B.2. Ruta crítica de desarrollo tecnológico (Roadmap)

Organismos internacionales tales como SIA³ (Semiconductor Industry Association), SRC³ (Semiconductor Research Corporation), SEMATECH,⁴, HP, Intel, y Motorola, entre otros, han coincidido en la necesidad de lograr dispositivos electrónicos del orden de 0.1 micras, lo cual conlleva a diseñar semiconductores con altos niveles de conductividad.⁴ Una forma de obtener estos materiales es con impurezas eléctricamente activas con una concentración del orden de 10^{21} /cm³ Aunque existen métodos de lograr estas concentraciones,⁵ cuando se dan tratamientos térmicos la resistividad aumenta.⁶

Los fenómenos de desactivación eléctrica han sido ampliamente estudiados.⁷ Algunos autores han propuesto que el defecto responsable de la desactivación eléctrica consiste de agregados de arsénico alrededor de una vacancia,^{2,9} mientras que otros han propuesto otras estructuras completamente diferentes.⁸ A pesar del gran número de trabajos sobre el tema, hasta el momento no se ha logrado establecer con precisión la estructura del defecto, ni mucho menos la dependencia que estos tienen con la temperatura. Los organismos arriba mencionados establecieron en 1995 la necesidad de realizar estudios de EXAFS para determinar de una manera más precisa la estructura de los defectos, proponiendo a la vez la urgencia de establecer modelos apropiados para sus procesos de producción.

Muchas de las investigaciones realizadas en silicio altamente dopado con arsénico han sido encaminadas a proponer la formación de agregados de arsénico a través de modelos teóricos²

 En 1988 K. C. Pandey,⁹ y G.S. Cargill III,⁹ calcularon la energía total para la formación de tres diferentes configuraciones de arsénicos en silicio SiAs₄, Si₄As, Vac-As₄



Figura 1.1 Resultados de los cálculos para la energia total de tres diferentes configuraciones de arsénico en silicio. Las energías por átomo de As están dadas para una configuración ideal (lineas punteadas) y para una configuración relajada (lineas sólidas), haciendo igual a cero la energia idealizada de un átomo de As aislado

La relajación tiene su más grande efecto en la configuración Vac-As4. Se obtuvo una energía libre de 0.35 eV por átomo de As más bajo que la configuración Si4As mientras que el agregado SiAs4 tiene la más alta energía de 0.27 eV por átomo de arsénico, más alta que la configuración de un átomo aislado de As. como está mostrado en la Figura I.1.

- Posteriormente M. Berding et al. (1998),² muestra que los agregados con energía favorable para su formación durante los tratamientos térmico a altas temperaturas son: Si₄As , Si-Vac-As₃, Si₂-Vac-As₂, Vac-As₄, lo cual no contradice los resultados obtenidos por Pandev.et al.
- Ese mismo año (1988) D.J. Chadi et al¹⁰, proponen un modelo también referido a arsénicos alrededor de la vacancia considerando distorsiones angulares producidas por la atracción mutua entre los arsénicos, estas distorsiones no serán por lo pronto consideradas en el presente proyecto.
- Hay quienes se enfocaron a investigar la formación de agregados del tipo As_m.^{11,12} (donde m = 5,6,7,... átomos) con alguna evidencia de precipitación observada a través de estudios de

TEM, argumentando que la precipitación es un importante mecanismo de desactivación eléctrica en el semiconductor, ¹³

 A través de experimentación con XSW A. Herrera-Gómez et al,¹⁴.mostraron que el arsénico desactivado continúa ocupando sitios substitucionales dentro de la red de silicio.

Haciendo un análisis de los resultados teóricos y experimentales obtenidos por Pandey et al.,⁹ y Berding et al.² y adoptando sus modelos, el presente estudio se enfoca a medir experimentalmente la dependencia de la concentración de los defectos propuestos con la temperatura, así como la estructura detallada de estos. Esto ayudará a predecir en el futuro los niveles de desactivación eléctrica para un semiconductor de silicio altamente dopado con arsénico, cuando es sometido a tratamientos térmicos.

I.C. Descripción de EXAFS

I.C.1. Fuente de luz

EXAFS implica la incidencia de rayos X de energía cercana a algún borde de absorción del átomo que se desee excitar. Un aspecto muy importante es la fuente de luz, la cual consiste de un sincrotrón. Estos laboratorios se encuentran dispersos en todo el mundo de la manera mostrada en la Figura 1.2.



Asia y Sud América: ~10, Norte América:~20 Europa:~20, Japón: ~20

Figura I.2 Distribución de sincrotrones en todo el mundo el cuadro de abajo podría incorporarse en la figura

Lo costoso del equipo y su mantenimiento los hacen poco factibles para su construcción en países con poca capacidad económica. Sin embargo, la visión de los japoneses y su potencial en este rubro es grande pues sus sincrotrones son aplicados totalmente a la industria. En los casos de Europa y Asia son utilizados primordialmente para la investigación científica, mientras que en Norte América combina ambos aspectos (industria e investigación). Aunque su acceso está muy restringido por obvias razones, siempre hay disposición de los responsables de estos centros de investigación para facilitar las instalaciones a grupos de trabajo en estas áreas. Un sincrotrón es un acelerador de partículas ya sea circular o recto. Un ejemplo de ello es la Figura I.3.



Figura I.3 Brookhaven National Laboratories, en New York



Figura I.4 Vista superior del laboratorio, muestra el anillo de VUV que opera con energías del electrón hasta de 800 MeV y el anillo de rayos X opera con energías del electrón hasta de 2.5 GeV.



Figura I.5 Imagen que muestra una serie de anillos magnéticos tanto para evitar que choquen los electrones con las paredes del anillo, como para restituir la energía que se pierde en cada cambio de dirección.

Obsérvese que la radiación sincrotrón se emite en cada cambio de dirección del haz y va dirigido a cabinas de trabajo para su uso en experimentación, un detalle de la emisión de la radiación sincrotrón se muestra en la Figura I.6.





Cuando la radiación sincrotrón es emitida, ésta es confinada, colimada y dirigida hacia un monocromador para después incidir en la muestra, tal como se muestra en la Figura I.7



Figura I.7 Esquema de funcionamiento de una línea de Luz Sincrotrón

Cuando el haz sale de la fuente llega a un monocromador y a unas aberturas que regulan el ancho y dirección del haz(ver Figura I.8). De ahí pasa a una cámara donde se mide su intensidad (I_0) para después incidir en la muestra y medir en los detectores que se tengan ya sea la trasmitancia (I_T) o bien la fluorescencia. En nuestro caso se usó fluorescencia.



Figura 1.8 Esquema que muestra el experimento realizado para obtener los datos de XAS (Espectroscopia de Absorción de Rayos X, por sus siglas en inglés) La longitud de onda del fotón incidente es variada y de acuerdo a su magnitud podemos utilizarla en diferente tipo de muestras, tal como se describe en la Figura I.7.



Figura 1.9 La fuente de radiación Sincrotrón puede cubrir un ancho amplio de ondas electromagnéticas, que va desde las micro ondas hasta rayos gamma.

I.C.2. Espectro de absorción EXAFS

EXAFS es una técnica usada para determinar de manera muy precisa la estructura local en un material. Sabemos que la luz interactúa con la materia pudiendo observar y medir diferentes fenómenos como los que se describen en la .Figura I.10. Algunas formas de determinar el espectro de absorción es observando la fluorescencia, la trasmitancia o bien los electrones Auger.



Figura I.10 Esquema que muestra la interacción de la luz con la materia, así como los diferentes fenómenos que pueden ser observados y medidos.

Cada punto obtenido en la curva de absorción de XAS es un promedio muy amplio de lecturas tomadas por el detector y procesadas por el computador, alrededor de 10,000. Por esta razón, los datos obtenidos por este medio son estadísticamente confiables. Las curvas características de XAS se obtienen al graficar la absorción con la energía del haz incidente sobre la muestra.



Figura I.11 Espectro de absorción característico de un estudio XAS.

El espectro de absorción es dividido en dos partes fundamentales para su análisis. La primera es la que esta cerca del borde de absorción y se conoce como XANES (X-ray Absortion Near Edge Spectroscopy) y es usada para conocer la distribución electrónica del átomo que absorbe. La parte oscilatoria al final del espectro es conocido como EXAFS y proporciona información muy relevante de la estructura local en la vecindad al átomo que absorbe. Es precisamente el interés del presente proyecto de analizar esta parte del espectro. Para entender y poder realizar el análisis de los datos obtenido es necesario entender los orígenes de la parte oscilatoria en la curva.

Pensemos que tenemos un átomo con sus niveles discretos bien establecidos tal y como se muestra en la siguiente figura.



Figura I.12 Absorción y emisión de un fotoelectrón proveniente del nivel 1s que viaja como ondas esféricas

Al llegar un fotón con energía igual o mayor a la energía del electrón en el orbital 1s, el átomo absorbe esa energía y la utiliza para sacar al electrón fuera del átomo dispersándose en forma de ondas esféricas a través del material y retrodispersandose con los átomos vecinos. Las interferencias entre las diferentes trayectorias dan como resultado la parte oscilatoria del espectro de EXAFS. Las trayectorias posibles que sigue el fotoelectrón durante la dispersión depende precisamente de la geometría local en la vecindad del átomo que absorbe.



Figura 1.13 Trayectorias posibles que puede seguir un fotoelectrón, tenemos dispersión simple (a) y dispersión múltiple (b).

Todas las trayectorias posibles que puede seguir un fotoelectrón durante su dispersión ocurren al mismo tiempo pero con distinta probabilidad. Como podrán observar las oscilaciones presentes en el espectro de EXAFS están ligadas intrínsicamente con la estructura local en la vecindad del átomo que absorbe. Esta técnica es sensible a la estructura local con un alcance aproximadamente de 5Å.



Figura I.14 Espectro de XAS donde se muestra la diferencia en la absorción de luz de átomos aislados y dentro de una estructura. Las oscilaciones son resultado de la presencia de vecinos. Por esta razón. EXAFS provee información sobre la estructura local. desglosado donde se muestra la contribución del átomo que absorbe.

Si graficamos el espectro de XAS y llamamos a μ_0 a la absorción del átomo central y a $\mu(k)$ a la absorción total, se tiene que las oscilaciones de EXAFS normalizadas son obtenidas mediante¹⁵:

(I.1)
$$\dots \chi(k) = \frac{\mu - \mu_0}{\Delta \mu_0},$$

donde k es el vector de onda, obtenido en función de la energía (E) y de la energía del borde de absorción (E_q)¹⁵

(I.2)
$$....k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(E-E_0)},$$

donde *m* es la masa del electrón y $\hbar = h/2\pi$, con *h* la constante de Plank. Cuando se hace la transformación con la ecuación anterior estamos en el espacio k (o espacio reciproco), esto no es una transformación de espacios sino simplemente un cambio de variable. Si desglosamos los gráficos se vería algo similar a lo que se muestra en la Figura I.15.



Figura 1.15 Gráfico de EXAFS normalizado, correspondiente a la muestra sin tratamiento térmico.

Las oscilaciones aisladas constituyen el espectro de EXAFS y son resultado de las reflexiones del fotoelectrón con los átomos vecinos. La excitación de este electrón es el proceso que da origen a XAS. Como se discutió en la Sección I.C, el tratamiento teórico se realiza a través de una aproximación semi-clásica. Por un lado el fotón es representado como un campo electromagnético y el electrón es tratado cuánticamente. Al realizar una aproximación dipolar, la ecuación resultante ha sido modificada empíricamente a través de los años y actualmente tenemos una expresión (I.3) heurística pues de algún modo la experiencia en análisis de EXAFS ha sido fundamental en su formulación.¹⁶

Donde:

- k Es el vector de onda, obtenido a partir de la energía y calculado con la ecuación (I.2)
- N Es el número de vecinos, estos pueden ser primeros, segundos o terceros vecinos al átomo que absorbe
- S₀ Es un factor de corrección que toma en cuenta la presencia de otros cuerpos, ya que en principio la ecuación fue escrita para un átomo aislado, este factor es un reductor de las amplitudes de dispersión, por lo que su valor debe ser menor que 1.0.
- F Es la amplitud de dispersión de la trayectoria Γ
- R Es la distancia radial de un átomo, al átomo que absorbe

- σ² Son los factores de Debye Waller
- λ Es la longitud de onda del fotoelectrón, obtenido también a través de los FEFF
- Φ Es el cambio de fase de la onda del fotoelectrón y que esta intrinsicamente ligada a la distancia del recorrido de la trayectoria

I.D. Cálculos teóricos de los parámetros EXAFS

Tradicionalmente, la evaluación de los parámetros que aparecen en la Ecuación (L3) habia sido a través del análisis de materiales de referencia. Afortunadamente, se desarrolló un software (FEFF) basado en Teoría Atómica que calcula estos parámetros en función de la energía del electrón.¹⁶ A través de éste es posible considerar, además, trayectorias de más de dos ramales, las cuales pueden representar una fuerte contribución. El programa FEFF fue usado extensivamente en el análisis.

I.E. Estudios de SIMS

SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) es usado para determinar los tipos de elementos químicos o impurezas en un material, todos los elementos incluso el hidrógeno son perceptibles por SIMS. La técnica consiste en colocar la muestra en ultra alto vacío, a la cual se le bombardea la superficie con átomos de oxígeno, cesio u otro elemento químico, de manera que se va haciendo un cráter, el material pulverizado, ionizado y acelerado es recogido por un analizador de masas que detecta la proporción en que se encuentra cada masa atómica.





LF. Descripción del provecto

I.F.I. Elaboración y caracterización de las muestras

Las muestras en estudio fueron elaboradas en Laurence Berkeley Labs (horneo con láser). Y la compañía Customized Wafer Services realizó todo el proceso de impurificación, que consistió en una oblea de silicio con orientación (100), a la cual se le implantaron iones de arsénico (aproximadamente a 500Å de profundidad) equivalente a una dosis de 4x10¹⁶/cm². posteriormente se hizo una licuefacción de los primeros 4000Å con láser para uniformizar el dopaje, así como el daño causado por la implantación. Toda la información obtenida para los procesos de implantación fue utilizada para obtener una homogénea y con las características deseadas, es decir, para lograr obtener un implante hasta los 500Å de profundidad se hicieron pruebas previas para obtener el mejor ángulo de implante y evitar el tuneleo, la energía utilizada fue de 10 keV con un ángulo de 65° con respecto a la normal al plano (001).



La oblea fue cortada extrayendo muestras que fueron sometidas a tratamientos térmicos por un tiempo suficientemente prolongado hasta lograr la desactivación eléctrica en el semiconductor.

Se obtuvieron datos de caracterización por EXAFS y SIMS obtenidos en el Sincrotrón Brookhaven National Laboratories de Nueva York y en los laboratorios de la Universidad de Stanford respectivamente, los cuales fueron empleados en el análisis presentado en esta tesis.

Para un mejor control del tipo de muestra que se maneje durante este documento, se estableció la siguiente nomenclatura:

| Tipo de Muestra | Nomenclatura Datos Experimentales | Nomenclatura Curvas de Ajuste | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Sin Tratamiento Térmico | STxxx | STxxxfit | |
| Tratamiento a 400 °C | 400xxx | 400xxxfit | |
| Tratamiento a 500 °C | 500xxx | 500xxxfit | |
| Tratamiento a 600 °C | 600xxx | 600xxxfit | |
| Tratamiento a 700 °C | 700xxx | 700xxxfit | |
| Tratamiento a 800 °C | 800xxx | 800xxxfit | |
| Tratamiento a 900 °C | 900xxx | 900xxxfit | |
| Tratamiento a 1000 °C | 1000xxx | 1000xxxfit | |

Tabla I.1 Nomenclatura de las muestras a estudiar

El comodín xxx, según el tipo de ajuste, corresponderá a las siguiente simbología:

Tabla I.2 Nomenclatura adicional de acuerdo al espacio de ajuste de los datos experimentales

| Espacio de los datos | Siglas correspondiente a: |
|--------------------------------------|---------------------------|
| En el espacio K(curva única) | xxx = AbsKspace |
| En el espacio R (curva absoluta) | xxx = AbsRspace |
| En el espacio R (curva Real) | xxx = Re |
| En el espacio R (curva Imaginaria) | xxx = Im |

I.F.2. Descripción general del trabajo a desarrollar

El diagrama de flujo del trabajo a desarrollar para el análisis se muestra en la Figura I.18.





El modelo incorporado al software corresponde al propuesto por Cargil III,⁹ En esta tesis, no se considerarán otros modelos.

Bibliografía

- ¹ J.A. Calderón-Guillén, A. Herrera-Gómez y S. Aguirre-Tostado, "Software para análisis de EXAFS"
- ² M.A. Berding and A. Sher, "Electronic Quasichemical Formalism: Application to arsenic deactivation in silicon. Phys. Rev. B 58, 3853 (1998).
- ³ Cooperative Reseach Between SSRL, Intel, HP, and CIS, Draft Only 11/1/93
- ⁴ TCAD Roadmap: A Supplement to the National Technology Roadmap for Semiconductors
- ⁵ S. Luning, P.M. Rousseau, P.B. Griffin, P.G. Carey, "Kinetics of High Concentration Arsenic deactivation at Moderate to Low Temperature"
- ⁶ John L. Altrip, Alan G.R.Evans, Nigel D.Yong, and John R. Logan, "The Nature of Electrically Inactive implanted Arsenic in Silicon After Rapid Thermal Annealing."

- ⁷ Leonard J. Borucki, "Evidence and Modelling of Anomalous Low Concentration Arsenic Inactivation." Motorola Corporatio, Advanced technology Center
- ⁸ D. J. Chadi, P. H. Citrin, C.H. Park, et al. Phys. Rev. Lett. 79, 4834 (1997).
- ⁹ K.C. Pandey, A.Erbil, G.S. Cargill III, R.F. Boehme, "Annealing of Heavily Arsenic-Doped Silicon: Electrical Deactivation and a New Defect Complex", Phys. Rev. Lett. 61, 1282 (1988).
- ¹⁰ D.J. Chadi, A. Antonelli y Effhimios Kaxiras, "Vacancy in Silicon Recisted: Structure and Pressure Effect", Phys. Rev. Lett. **81**, 2088 (1998).
- ¹¹ Ravi Subrahmanyan, Marius Orlowski, and Gary Huffman, "Simulation and Experimental Study of the Dynamics of Arsenic Clustering and Precipitation including Ramp-up and Ramp-down Conditions"
- ¹² M. Ramamoorthy and S. T. Pantelides, Phys. Rev. lett. 76, 4753 (1996).
- ¹³ D. Novili, A. Carabelas, G. Celotti, and S. Solmi, "Precipitation as the Phenomenon Responsible for the Electrically Inactive Arsenic in Silicon", Phys. Rev. B 49, 2477 (1994)
- ¹⁴ A. Herrera-Gómez, W.E. Spicer, "Evolution of the Crystallographic position of As impurities in heavily doped Si crystals as their electrical activity changes", Appl. Phys. Lett. 68, 3090 (1996).
- 15 Bruce Ravel, EXAFS analysis with FEFF and FEFFIT. 12-Abril-2001
- ¹⁶ J. Mustre de Leon, J. J. Rehr, S. I. Zabinsky, and R. C. Albers. Phys. Rev. B 44, 4146-4156 (1991).

II.Objetivos

II.A. Objetivo General

Establecer la dependencia de estructura de los agregados de arsénico con la temperatura, identificando y midiendo los diferentes defectos que forman parte en los procesos de desactivación.

II.B. Objetivos específicos

- Crear un modelo fisico apropiado para la cinética de desactivación eléctrica del silicio altamente dopado con arsénico, basándose en el modelo de Cargil III
- Elaborar un software que permita realizar ajuste de los datos de EXAFS con base en el modelo físico.
- Analizar los datos existentes de EXAFS con el software desarrollado, y establecer la dependencia de la concentración de los diferentes defectos mostrados en la Figura I.1

III. Resultados Experimentales

III.A. Resultados de EXAFS

Los datos obtenidos del estudio XAS, se muestran en los siguientes gráficos.



Figura III.1 Datos de XAS obtenidos directamente en el sincrotrón de Brookhaven National Laboratories en New York.

Es dificil apreciar diferencias significativas en la región de EXAFS en estos gráficos. Además, cuando la longitud de onda del electrón es muy pequeña (altas energías), las oscilaciones son muy pequeñas. Sin embargo, es posible observar la parte oscilatoria de manera más detallada si se realizan los siguientes cambios:

- Cambiar de variable E (energía del fotoelectrón) a k (número de onda del fotoelectrón)
- En el eje vertical se grafica el valor de absorción normalizada multiplicada una potencia en k
 con la finalidad de hacer más importantes las amplitudes de las oscilaciones en la región
 lejana al borde de absorción.. En el caso de la Figura III.2 se utilizó una potencia igual a dos.



Figura III.2 Datos obtenidos de los estudios de XAS que corresponden a la región extendida oscilatoria (EXAFS), la primera sin tratamiento térmico (S/T) y el resto con tratamientos de 500-1000 °C.

III.B. Tratamiento de los datos experimentales de XAS

Los datos experimentales obtenidos a través del estudio XAS contempla el espectro completo de absorción, el cual se puede dividir en dos partes la correspondiente a XANES y la de EXAFS, esta última es la que por el momento nos interesa obtener.


Figura III.3 Espectro completo de un estudio XAS del As K-edge

III.B.2. El espacio k

Aplicando las ecuaciones dadas en el Capitulo I, podemos eliminar la absorción del átomo de arsénico y normalizar obteniendo la región ondulatoria de EXAFS, estos datos pueden llevarse al espacio k (propiamente no es una transformación de espacio) para su ajuste con un simple cambio de variable, tal como se describe en la Sección I.C.2. Además de obtener estas curvas muchas de las veces es conveniente **pesar** los datos experimentales con la intención de darle más importancia al final del espectro donde las amplitudes de las oscilaciones son muy pequeñas, es común **pesar** los datos en una potencia de k, esto es: $\chi(k)^*(k^{ineigh})$, donde **kweight** puede ser 1,2,3....etc. aunque generalmente se usa las potencias de 1 o 2. A continuación mostramos los datos experimentales en el espacio k realizados con el software desarrollado que se anexa en el Apéndice B.



Figura III.4 Datos de EXAFS en el espacio k, pesados con k¹

Obsérvese como se ve un marcado cambio de estructura en el material de la muestra sin tratamiento térmico y la muestra tratada a 500°C.

III.B.3. El espacio R

Mediante una transformada de Fourier podemos pasar del espacio "k" al espacio "R" (Recordemos que la Transformada de Fourier nos muestra un espacio de frecuencias, que en este caso corresponden por analogía a las distancias R), al hacer esto obtenemos tres clases de curvas, la parte Real e Imaginaria de la transformada de Fourier y la curva absoluta o la magnitud de la transformada que se obtiene a partir de las dos primeras. A continuación mostramos las curvas obtenidas a partir de los datos en el espacio "k"



Figura III.5 Datos de EXAFS en el espacio R, muestra Sin Tratamiento térmico y muestra tratada a 400°C

Aunque a simple vista no se aprecia gran diferencia estructural entre ambos espectros (ST y 400) lo que si puede apreciarse es la magnifica definición del primer pico correspondiente a los primeros y segundos vecinos al arsénico y que concuerda muy bien con gráficos reportados por G. S. Cargill III, Chadi y Pandey.



Figura III.6 Datos de EXAFS en el espacio R, imágenes sobrepuestas de las muestras a ST, 500 y 600°C de tratamiento térmico

Estas imágenes sobrepuestas muestran claramente (mucho mejor que en el espacio K) un cambio de estructura entre las muestras ST y 500°C de tratamiento térmico, sin embargo el pico de los primeros y segundos vecinos siguen bien definidos.



Figura III.7 Datos de EXAFS en el espacio R de muestras tratadas térmicamente de 600-1000°C.

Se sobrepusieron las imágenes con la intención de mostrar como de manera gradual se van definiendo cada vez mejor los segundos vecinos al arsénico, sin embargo en los primeros vecinos no hay cambios apreciables después de la transición que sufre en los tratamientos térmicos de ST a 500°C.



Figura III.8 Datos de EXAFS, parte real de la transformada de Fourier



Figura III.9 Datos de EXAFS, parte imaginaria de la transformada de Fourier

Es importante ajustar la parte real e imaginaria de la transformada de Fourier, pues si hiciéramos el ajuste directamente sobre la magnitud, como son valores absolutos puede ser que la parte real o la imaginaria este desfasada y aun así el ajuste sería perfecto, lo cual nos llevaría a errores en la interpretación de los resultados, es por eso que los ajustes de los datos experimentales los haremos con la parte real e imaginaria de la transformada de Fourier, y por supuesto que la suma de estas contribuciones deben ajustar a la magnitud de la transformada en el espacio de Fourier

III.C. Estudios de SIMS

Estos estudios se realizan para determinar el tipo y cantidad de un tipo especial de átomos presentes en un material desde la superficie hasta la profundidad deseada. En la Figura III.10 se muestran los resultados de estos estudios para el caso de los átomos de arsénico distribuidos en el sustrato. Aquí se puede observar como la magnitud de la implantación significativa la podemos encontrar hasta los 4000Å de profundidad, con valores que oscilan entre 1.00E+021 hasta 7.00E+020.



Figura III.10 Figura que muestra los datos obtenidos por SIMS y como se observa a 4000Å de la superficie tenemos una cantidad significativa de dopantes por arriba de 7.00E+020 As/cm²

IV. Descripción del Modelo Físico

IV.A. Proceso de desactivación eléctrica

Al incorporar impurezas de arsénico(As^{*}) sobre silicio se crea un semiconductor tipo *n*, ya que en principio el arsénico activo contribuye con un electrón a la banda de conducción, modelo 4 de la Figura IV.1. Sin embargo cuando se dan tratamientos térmicos a las muestras, los átomos de arsénico empiezan a moverse y a fijarse alrededor de vacancias, y con esto se vuelven inactivos, dejando de contribuir con su electrón de valencia, este es el caso de los modelos 1,2 y 3 de la Figura IV.1

(IV.1) $2As^+ + 2e^- \rightarrow Si^I + 2AsV$ (endotérmica) $2AsV + As^+ + e^- \rightarrow 3AsV$ (exotérmica) $3AsV + As^+ + e^- \rightarrow 4AsV$ (exotérmica)

donde Si^I representa un átomo de silicio intersticial. La movilidad del silicio intersticial en cristales de silicio es sumamente alta, por lo que estos migran rápidamente a la superficie o al bulto. Esto provoca que, a bajas temperaturas, cuando la disponibilidad de silicio intersticial es poca, la primera reacción sea en una sola dirección. Las siguientes dos reacciones son en una dirección porque son exotérmicas.

IV.B. Modelos Teóricos

Para encontrar los parámetros en la ecuación de EXAFS es necesario tener una idea previa de la estructura local en la vecindad del átomo que emite. A través de los datos EXAFS es posible encontrar los detalles de la estructura del modelo propuesto. Es por ello que se propone una serie de modelos dinámicos, esto es, las configuraciones estructurales que se proponen cuentan con parámetros que determinan la geometría local, pudiendo manejar una infinidad de deformaciones. En principio los modelos propuestos están basados en las investigaciones reportadas hasta la fecha. La forma de denotarlos y llamarlos está mostrada en la Figura IV.1.



Figura IV.1 Modelos físicos propuestos fundamentados por Pandey et al.

De acuerdo a las investigaciones reportadas por Cargill,¹ Berding,² y otros, los modelos energéticamente favorables presentan una vacancia. Es de esperarse que existirán deformaciones locales de los átomos alrededor de la vacancia. En principio se suponen que estas deformaciones producirán desplazamientos en los primeros y segundos vecinos a la vacancia, gobernados por los parámetros α y β respectivamente. Con cada par de valores de α y β es posible representar infinidad de posiciones en los átomos y con esa posición encontrar las fase y amplitudes de nuestra ecuación de EXAFS para con ellos ajustar los datos experimentales.

IV.C. Formulación Matemática

IV.C.1. Sistema de Referencia

Una de las hipótesis de este proyecto es que existen distorsiones locales en la red debido a dos causas, la primera es que el arsénico entra de manera sustitucional en la red del silicio³ siendo el arsénico de mayor tamaño tenderá a expandir la red en su entorno, la segunda es la presencia de vacancias. Se a supuesto que existen desplazamientos axiales a la vacancia (o arsénico) de los primeros y segundos vecinos a la misma, esto es:



Figura IV.2 Localización de los primero y segundos vecinos a una Vacancia (o arsénico) respecto al sistema X-Y-Z.

- (IV.2) $\overrightarrow{\mathbf{A}} = (1+\alpha)\mathbf{\hat{a}}$
- (IV.3) $\dots \overrightarrow{\mathbf{B}} = (1+\beta)\vec{\mathbf{b}}$

Donde α y β , son parametros adimensionales, un valor negativo de ellos indica que la red se comprime, **a** y **b** son los vectores que localizan a los primeros y segundos vecinos cuando la deformación es nula ($\alpha=\beta=0$).

En los estudios de EXAFS el átomo de arsénico es el que absorbe por lo que es necesario realizar una traslación de ejes que va de la vacancia a uno de sus primeros vecinos arsénicos, a los cuales llamaremos X'-Y'-Z' Respecto a este sistema de referencia se localizarán la posición de los átomos considerando los desplazamientos de los átomos vecinos a la vacancia, en el caso especial del modelo 4 (Si₄As) no es necesario esta traslación de ejes.



Figura IV.3 Traslación de ejes de referencia de la vacancia al átomo de arsénico que absorbe.

La localización de los átomos respecto al sistema X'-Y'-Z' se hace mediante la siguiente trasformación lineal.

(IV.4) $..., \vec{B'} = \vec{R}_0 + \vec{B}_j ..., j = 1, 2, ..., n$

con

(IV.5) $\vec{\mathbf{R}}_0 = -\vec{\mathbf{A}}_i$

La localización de los átomos se realizó en función de los parámetros α y β y se usó el software Feff.exe (Universidad de Washington⁴) para determinar las fases y amplitudes de cada una de las trayectorias que sigue un fotoelectrón durante la dispersión y que depende por supuesto de cada uno de los modelos propuestos. Estos resultados están disponibles en el Apéndice A

IV.C.2. Trayectorias Modelo 1 (V-As4)

En este modelo el parámetro α está referenciado a los arsénicos que son los primeros vecinos a la vacancia y β esta referenciado a los segundos vecinos a la vacancia o sea a silicios, un valor negativo de estos parámetros indicará que los átomos referenciados se acercan a la vacancia. Para un mejor entendimiento de las figuras siguientes emplearemos la siguiente nomenclatura:

 d_1^{j}, i = 1, 2, 3, 4 y nos indica el tramo de recorrido de la trayectoria j (A,B o C), el superíndice j se emplea cuando se tienen varias trayectorias con diferentes ecuaciones para un mismo feff, en caso contrario se omite el superíndice.

$$d_T^j = \frac{\sum d_T^j}{2}$$
 que nos da distancia total promedio del recorrido.

$$d_{1} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha)^{2}-8(1+\alpha)(1+\beta)+8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{r} = \frac{2d_{1}}{2}$$
(3)

Figura IV.4 Travectoria 1. Nombre: Feff0001. Contribución: 100%. Número de ramales: 2.



Figura IV.5 Trayectoria 2. Nombre Feff0002. Contribución 71.91%. Número de ramales: 2.



Figura IV.6 Trayectoria 3. Nombre Feff0003. Contribución 29.78%. Número de ramales: 2.

$$\begin{array}{ccc} d_{1} & \\ d_{2} & \\ d_{2} & \\ d_{1} & \\ d_{2} & \\ d_{2} & \\ d_{2} & \\ d_{3} & \\ d_{2} & \\ d_{1} & \\ d_{2} & \\ d_{3} & \\ d_{3} & \\ d_{4} & \\ d_{5} & \\ d_{5} & \\ d_{6} & \\ d_{6} & \\ d_{7} & \\ d_{1} & \\ d_{1} & \\ d_{1} & \\ d_{2} & \\ d_{1} & \\ d_{2} & \\ d_{3} & \\ d_{1} & \\ d_{2} & \\ d_{3} & \\ d_{1} & \\ d_{2} & \\ d_{3} & \\ d_{3} & \\ d_{1} & \\ d_{2} & \\ d_{3} & \\ d_{4} & \\ d_{5} & \\ d_{6} & \\ d_{6} & \\ d_{7} & \\ d_{1} & \\ d_{1} & \\ d_{1} & \\ d_{2} & \\ d_{3} &$$

Figura IV.7 Trayectoria 4. Nombre Feff0004. Contribución 3.875%. Número de ramales: 3. d_T es la distancia total promedio del recorrido de la trayectoria



Figura IV.8 Trayectoria 5. Nombre Feff0005. Contribución 27.9%. Número de ramales: 3

$$d_{1} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha)^{2}+8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{2} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha)^{2}-8(1+\alpha)+16}$$

$$d_{3} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\alpha)^{2}-16(1+\alpha)+24}$$
(3)

Figura IV.9 Travectoria 6. Nombre Feff0006. Contribución 58.41%. Número de ramales: 2



Figura IV.10 Trayectoria 8. Nombre Feff0008. Contribución 4.48%. Número de ramales: 4

$$d_{1} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha)^{2} - 8(1+\alpha)(1+\beta) + 8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{2}^{4} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha)^{2} - 6(1+\alpha) + 11}$$

$$d_{2}^{4} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha)^{2} - 14(1+\alpha) + 19}$$

$$d_{3}^{4} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2} - 8(1+\beta) + 11}$$

$$d_{3}^{4} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2} - 16(1+\beta) + 19}$$
Deg

$$d_{r}^{4} = d_{1} + d_{2}^{4} + d_{3}^{4}$$
(6)

$$d_{r}^{B} = d_{1} + d_{2}^{B} + d_{3}^{B}$$
(3)

Figura IV.11 Trayectoria 9. Nombre Feff0009. Contribución 3.80%. Número de ramales: 3



$$d_r^c = d_1 + d_2^c + d_3^c \tag{12}$$

Figura IV.12 Trayectoria 10. Nombre Feff0010. Contribución 12.20%. Número de ramales: 3.

Aunque se generaron las ecuaciones para los primeros 20 feff, únicamente se muestran los primeros 10 ya que en primer lugar son los que tienen mayor probabilidad de ocurrir y segundo porque el radio efectivo para el último feff es de 5.34Å y se encuentra en el limite de la resolución de EXAFS.

IV.C.3. Trayectorias Modelo 2 (Asz-V-Si)

En este modelo el parámetro α_l está referenciado a los arsénicos que son los primeros vecinos a la vacancia y α_2 está direccionado al silicio que está como primer vecino a la vacancia, β está referenciado a los segundos vecinos a la vacancia o sea a silicios, un valor negativo de estos parámetros indicará que los átomos referenciados se acercan a la vacancia.



Figura IV.13 Trayectoria 1. Nombre Feff0001. Contribución 100%. Número de ramales: 2

$$d_{I} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{i})^{2}-6(1+\alpha_{i})+11}$$
 Deg

$$d_{2} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{i})^{2}-14(1+\alpha_{i})+19}$$

$$d_{3} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{i})^{2}-14(1+\alpha_{i})+19}$$

$$d_{3} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{i})^{2}+2(1+\alpha_{i})(1+\alpha_{2})+3(1+\alpha_{2})^{2}}$$

$$d_{r}^{*} = \frac{2d_{1}}{2}$$

$$d_{r}^{*} = \frac{2d_{2}}{2}$$

Figura IV.14 Trayectoria 2. Nombre Feff0002. Contribución 79.91%. Número de ramales: 2



Figura IV.15 Trayectoria 3. Nombre Feff0003. Contribución 19.856%. Número de ramales: 2

$$d_{1} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2}-8(1+\alpha_{1})(1+\beta)+8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{2} = \frac{a}{4}(1+\beta)\sqrt{8}$$

$$d_{2} = 2d_{1}+d_{2}$$
(6)

Figura IV.16 Trayectoria 4. Nombre Feff0004. Contribución 3.872%. Número de ramales: 3



Figura IV.17 Travectoria 5. Nombre: Feff005. Contribución: 27.877%. Número de ramales: 3.

$$d_{1} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2}+8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{2} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2}-8(1+\alpha_{1})+16}$$

$$d_{3} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2}-8(1+\alpha_{1})+16}$$

$$d_{3} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2}-16(1+\alpha_{1})+24}$$

$$d_{7}^{4} = \frac{2d_{1}}{2}$$

$$d_{7}^{2} = \frac{2d_{2}}{2}$$

$$d_{7}^{2} = \frac{2d_{2}}{2}$$

$$(3)$$

Figura IV.18 Trayectoria 6. Nombre: Feff006. Contribución: 58.41%. Número de ramales: 2.



Figura IV.19 Trayectoria 8. Nombre: Feff008. Contribución: 4.472%. Número de ramales: 4.

$$d_{1} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 8(1+\alpha_{1})(1+\beta) + 8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{1}^{4} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 8(1+\alpha_{1})(1+\beta) + 8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{2}^{4} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 14(1+\alpha_{1}) + 19}$$

$$d_{2}^{c} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} + 2(1+\alpha_{1})(1+\alpha_{2}) + 3(1+\alpha_{2})^{2}}$$

$$d_{1}^{4} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2} - 8(1+\beta) + 11}$$

$$d_{3}^{8} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2} - 16(1+\beta) + 19}$$

$$d_{2}^{c} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{2})^{2} + 8(1+\beta)^{2}}$$
Deg

$$d_{1}^{4} = d_{1} + d_{2}^{4} + d_{3}^{4}$$

$$d_{1}^{8} = d_{1} + d_{2}^{8} + d_{3}^{8}$$

$$(12)$$

$$d_T^C = d_1 + d_2^C + d_3^C \tag{4}$$



$$d_{1} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 8(1+\alpha_{1})(1+\beta) + 8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{2}^{s} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 8(1+\alpha_{1}) + 16}$$

$$d_{2}^{s} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 8(1+\alpha_{1}) + 16}$$

$$d_{2}^{s} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 16(1+\alpha_{1}) + 24}$$

$$d_{3}^{s} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2} - 16(1+\beta) + 16}$$

$$d_{3}^{s} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2} - 24(1+\beta) + 24}$$

$$d_{5}^{s} = \frac{a}{4}(1+\beta)\sqrt{8}$$
Deg

$$d_{4}^{s} = d_{4} + d_{4}^{s} + d_{4}^{s}$$
(12)

$$d_{T}^{B} = d_{1} + d_{2}^{B} + d_{3}^{B}$$
(12)

$$d_{T}^{C} = d_{1} + d_{2}^{C} + d_{3}^{C}$$
(12)

Figura IV.21 Trayectoria 10. Nombre: Feff010. Contribución: 12.19%. Número de ramales: 3. En la figura se colocó únicamente una trayectoria genérica para los tres tipos existentes.

Aunque se generaron las ecuaciones para los primeros 20 feff, únicamente se muestran los primeros 10 ya que en primer lugar son los que tienen mayor probabilidad de ocurrir y segundo porque el radio efectivo para el último feff es de 5.34Å y se encuentra en el limite de la resolución de EXAFS.

IV.C.4. Trayectorias Modelo 3 (As2-V-Si2)

En este modelo el parámetro α_1 está referenciado a los arsénicos que son los primeros vecinos a la vacancia y α_2 está direccionado al silicio que está como primer vecino a la vacancia, β está referenciado a los segundos vecinos a la vacancia o sea a silicios, un valor negativo de estos parámetros indicará que los átomos referenciados se acercan a la vacancia.

$$d_{i} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{i})^{2} - 8(1+\alpha_{i})(1+\beta) + 8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{f} = \frac{2d_{i}}{2}$$
(3)

Figura IV.22 Travectoria 1. Nombre Feff0001. Contribución 100%. Número de ramales: 2



Figura IV.23 Trayectoria 2. Nombre Feff0002. Contribución 87.905%. Número de ramales: 2

$$d_{I} = \frac{\alpha}{4} (1+\alpha_{i})\sqrt{8}$$
 (1)

Figura IV.24 Trayectoria 3. Nombre Feff0003. Contribución 9.929%. Número de ramales: 2



Figura IV.25 Trayectoria 4. Nombre Feff0004. Contribución 3.869%. Número de ramales: 3

$$d_{1} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 8(1+\alpha_{1})(1+\beta) + 8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{2} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2} - 16(1+\beta) + 11}$$

$$d_{2}^{\beta} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2} - 24(1+\beta) + 19}$$

$$d_{1}^{A} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 6(1+\alpha_{1}) + 11}$$

$$d_{2}^{A} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 14(1+\alpha_{1}) + 19}$$
Deg

(

$$d_T^A = d_1 + d_2^A + d_3^A \tag{12}$$

$$d_{\tau}^{B} = d_{1} + d_{2}^{B} + d_{3}^{B}$$
(6)



 $d_{1} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} + 8(1+\beta)^{2}}$ $d_{2} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 8(1+\alpha_{1}) + 16}$ $d_{3} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{1})^{2} - 16(1+\alpha_{1}) + 24}$ Deg $d_{1}^{*} = \frac{2d_{1}}{2}$ $d_{1}^{*} = \frac{2d_{2}}{2}$ $d_{1}^{*} = \frac{2d_{2}}{2}$ $d_{2}^{*} = \frac{2d_{2}}{2}$ $d_{3}^{*} = \frac{2d_{2}}{2}$ $d_{3}^{*} = \frac{2d_{3}}{2}$ $d_{3}^{*} = \frac{2d_{3}}{2}$ $d_{3}^{*} = \frac{2d_{3}}{2}$ $d_{3}^{*} = \frac{2d_{3}}{2}$

Figura IV.27 Trayectoria 6. Nombre: Feff006. Contribución: 58.41%. Número de ramales: 2.

$$d_{i} = \frac{a}{4}\sqrt{3(1+\alpha_{i})^{2}-8(1+\alpha_{i})(1+\beta)+8(1+\beta)^{2}}$$

$$d_{2}^{A} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2}-16(1+\beta)+11}$$

$$d_{2}^{B} = \frac{a}{4}\sqrt{8(1+\beta)^{2}-24(1+\beta)+19}$$
Deg

$$d_{7}^{A} = 2[d_{1}+d_{2}^{A}]$$

$$d_{7}^{B} = 2[d_{1}+d_{2}^{B}]$$
(3)

Figura IV.28 Trayectoria 8. Nombre: Feff008. Contribución: 4.472%. Número de ramales: 4.



$$d_T^B = d_1 + d_2^B + d_3^B$$
 (12)

$$d_{T}^{C} = d_{1} + d_{2}^{C} + d_{3}^{C}$$
(8)

Figura IV.29 Trayectoria 9. Nombre: Feff009. Contribución: 5.058%. Número de ramales: 3.



$$d_{T}^{C} = d_{1} + d_{2}^{C} + d_{3}^{C}$$
(12)
$$d_{T}^{C} = d_{1} + d_{2}^{C} + d_{3}^{C}$$
(12)

Figura IV.30 Trayectoria 10. Nombre: Feff010. Contribución: 12.18%. Número de ramales: 3.

Aunque se generaron las ecuaciones para los primeros 20 feff, únicamente se muestran los primeros 10 ya que en primer lugar son los que tienen mayor probabilidad de ocurrir y segundo porque el radio efectivo para el último feff es de 5.34Å y se encuentra en el limite de la resolución de EXAFS.

IV.C.5. Trayectorias Modelo 4 (Si_Asy)

En este modelo el parámetro α está referenciado a los silicios que son los primeros vecinos al arsénico y β está referenciado a los segundos vecinos silicio del arsénico, un valor negativo de estos parámetros indicará que los átomos referenciados se acercan a la vacancia.

$$d_{1} = \frac{\alpha}{4}(1+\alpha_{2})\sqrt{3} \qquad \text{Deg}$$

$$d_{T} = \frac{2d_{1}}{2} \qquad (4)$$

Figura IV.31 Trayectoria 1. Nombre Feff0001. Contribución 100%. Número de ramales: 2



Figura IV.32 Trayectoria 2. Nombre Feff0002. Contribución 71.9%. Número de ramales: 2



Figura IV.33 Trayectoria 3. Nombre Feff0003. Contribución 5.8%. Número de ramales: 3



Figura IV.34 Trayectoria 4. Nombre: Feff004. Contribución: 27.8%. Número de ramales: 3.



Figura IV.35 Trayectoria 5. Nombre: Feff005. Contribución: 43.81%. Número de ramales: 2.

Aunque se generaron las ecuaciones para los primeros 20 feff, únicamente se muestran los primeros 10 ya que en primer lugar son los que tienen mayor probabilidad de ocurrir y segundo porque el radio efectivo para el último feff es de 5.34Å y se encuentra en el limite de la resolución de EXAFS.

Bibliografia

- ¹ K.C. Pandey, A.Erbil, G.S. Cargill III, R.F. Boehme, "Annealing of Heavily Arsenic-Doped Silicon: Electrical Deactivation and a New Defect Complex" Phys. Rev. Lett. 61, 1282 (1988).
- ² M.A. Berding and A. Sher, "Electronic Quasichemical Formalism: Application to arsenic deactivation in silicon. Phys. Rev. B 58, 3853 (1998).
- ³ A. Herrera-Gómez, W.E. Spicer, "Evolution of the Crystallographic position of As impurities in heavily doped Si crystals as their electrical activity changes" Appl. Phys. Lett. 68, 3090 (1996).
- ⁴ J. Mustre de Leon, J. J. Rehr, S. I. Zabinsky, and R. C. Albers. Phys. Rev. B 44, 4146-4156 (1991).

V. Descripción del Software

Una idea inicial que se tuvo para desarrollar el software es que fuera amigable con el usuario, que tuviera un ambiente gráfico disponible que mostrara los ajustes en tiempo de ejecución, que pudiera a través del ambiente creado la posibilidad de tratar los datos gráficamente, así como analizar sus resultados y establecer sus conclusiones, además pensado en que siempre que uno realiza un análisis de este tipo es necesario elaborar reportes tanto de los datos como de los resultados obtenidos, se crea dentro del mismo ambiente de trabajo la posibilidad de preparar dichos reportes. Un gran reto que se tuvo fue la de estudiar y comprender la plataforma que Visual Borland C++ ofrece, aunque quizás no se ha explotado al máximo la programación sobre objetos que Borland ofrece se ha llegado a un software con un alto nivel de desempeño. Se inicio con un software existente para análisis de datos obtenidos por fotoemisión llamado *AAnalyzer¹*, del cual se tomó la estructura principal. Posteriormente se acondicionó para el análisis de datos de EXAFS.

V.A. Esquema de Funcionamiento del Programa



Figura V.1 diagrama de funcionamiento global del software desarrollado

V.A.2. Módulo "Data"



Figura V.2 Esquema que muestra las virtudes del módulo para la captura de los datos experimentales, también se pueden tratar los datos para realizar presentaciones en otro software como por ejemplo "Origin"

V.A.3. Módulo "Models"

Este módulo está pensado para poder ajustar los datos de EXAFS a través de modelos propuestos específicamente para este proyecto, sin embargo también pueden ajustarse en el módulo de "fitting parameters" para el caso general de que no tengan que emplearse propiamente un modelo.

Existen cuatro modelos clasificados como:

- Modelo 1
 V-As₄
- Modelo 2
 Si-V-As₃
- Modelo 3
 Si₂-V-As₂
- Modelo 4 Si₄As

Cada uno tiene asignado los parámetros estructurales α y β , mismos que se ajustarán durante el análisis para determinar las deformaciones locales.

Para cada modelo se calculan las fases y amplitudes en cada una de las posibles trayectorias que puede tener un fotoelectrón durante la dispersión, estos datos están almacenados en archivos llamados feffxxxx, obtenidos a través del programa de la Universidad de Washington (feff.exe) ^{2,3}. Cada archivo contiene los parámetros iniciales a usar en la ecuación de EXAFS, la suma de las contribuciones de todos los feffxxxx para un modelo específico forman un pico, en total podemos ajustar los datos experimentales con cuatro picos (uno por modelo). A continuación mostramos las características esenciales de los parámetros de ajuste en cada modelo:



Figura V.3 Esquema que muestra el manejo de las variables que intervienen en la ecuación de EXAFS. Para cada modelo se realizó este mismo modulo.

V.A.4. Módulo "Fitting Parameters"

Al igual que el módulo anterior podemos ajustar los datos de EXAFS sin necesidad de utilizar un modelo específico, aquí cada feffxxxx es un pico y contiene también todos los parámetros para la ecuación de EXAFS.(1.4) Las características de manejo para los parámetros son similares al módulo anterior y además en ambos casos se pueden guardar los parámetros alimentados para su posterior uso y realizar el ajuste en el espacio "k" ó en el espacio "R". Existe también la posibilidad de pesar los datos experimentales con la finalidad de darle importancia a la región más alejada del espectro.

V.A.5. Módulo "Data and Fit Plot K-space"

En esta pantalla se muestra en forma gráfica los cambios durante el ajuste de los datos experimentales y en la parte inferior se grafica el residuo obtenido de la diferencia entre los puntos de la curva de ajuste con los puntos de los datos experimentales. Cuando el ajuste se hace desde esta pantalla automáticamente está direccionada para ajustar en el espacio "k".



V.A.6. Módulo "Data and Fit Plot R-space

Tiene las mismas virtudes del módulo anterior con la diferencia de que el análisis realizado es en el espacio "R", obtenido a través de una transformada de Fourier del espacio "k", lo que se ajusta es la parte real e imaginaria de la transformada obteniendo la parte absoluta a partir de estas dos.



V.A.7. Módulos "Result Plot" y "Result Table"

En estos módulos se pueden graficar los parámetros que se dejaron libres durante el ajuste contra alguna variable externa. Estos módulos son de gran interés pues con ellos se pueden elaborar las presentaciones de los análisis de los resultados obtenidos a través de gráficos y cuadros de datos.

V.A.8. Módulo "File Editor"

Es un editor de textos dentro del mismo ambiente de trabajo, es simple y útil cuando se desea editar archivos de datos podemos hacerlo en este módulo de manera inmediata.
V.A.9. Módulo "Miscellaneous"

Aquí se podrán encontrar los nombres de las variables que reconoce el editor de ecuaciones al momento de querer correlacionar los parámetros de la ecuación de EXFAS(I.4). Se muestran algunos ejemplos de cómo correlacionar los parámetros entre modelos, picos ó datos.

Al igual que todo programa bajo windows se cuenta con un menú principal consistente en:

| File Edit Actions | Option | Help |
|-------------------|--------|------|
|-------------------|--------|------|

Cada uno de ellos cuentan con submenús que nos auxilia a maniobrar con el ajuste y la presentación de los resultados, asimismo, el programa cuenta con barra de herramientas para un rápido acceso para el usuario.

V.B. Diagrama de flujo de la rutina de ajuste

Es la parte medular del software desarrollado, para el ajuste de los datos experimentales se usó el propuesto por Levenberg⁴, mostraremos los diagramas de flujo de las rutinas principales

Programa principal aquí se identifica el tipo de ajuste, si se usan modelos y llama a la subrutina encargada de realizar el ajuste.



Figura V.4 Diagrama de flujo del programa principal de ajuste de datos

FitAllFiles() es una subrutina que se encarga de ajustar todos los archivos de datos activos a la vez, y claro que primero prepara los datos y picos para el ajuste.



Figura V.5 Diagrama de flujo de FitAllFiles ()



Figura V.6 Continuación del diagrama de flujo de FitAllFiles().



Figura V.7 Diagrama de flujo de la subrutina ObtainBestParametersLevenberg()

Continuación de ObtainbestParametersLevenberg()



Figura V.8 Continuación del diagrama de flujo de la subrutina ObtainBestParametersLevenberg().

Continuación de ObtainBestParametersLevenberg()



Figura V.9 Continuación del diagrama de flujo de la subrutina ObtainBestParametersLevenberg().

Diagrama de flujo de Subrutina mrqmin ()

Obtiene los nuevos valores de los parametros libres, a través de la solución de un sistema de ecuaciones por el metodo de Gauss-Jordan



Figura V.10 Diagrama de flujo de subrutina mrqmin()

Bibliografía

- Software AAnalyzer desarrollado por el Dr. Alberto Herrera Gómez, CINVESTAV-QRO
- ² J. Mustre de Leon, J. J. Rehr, S. I. Zabinsky, and R. C. Albers. Phys. Rev. B 44, 4146-4156 (1991).
- 3 John Rehr, Feff project, Departments of Phisycs, University of washing
- ⁴ Numerical Recipes in C, Second Edition, William H. Press et al, Editorial Cambridge, Cap. 12-15

VI. Análisis y Discusión

En los capítulos anteriores se discutieron:

- los fenómenos más relevantes que están involucrados en el proceso de desactivación eléctrica,
- el modelo matemático y
- el software ad hoc de cerca de 22,000 líneas de código fuente.

En el presente capítulo se aplica lo anterior a los datos experimentales de EXAFS, y se estudia la relevancia de los modelos propuestos.

VI.A. Consideraciones generales

Para ajustar los datos experimentales con la Ecuación (I.3) es necesario proponer las trayectorias posibles de los fotoelectrones. Para ello es necesario conocer la estructura local en la vecindad del átomo que absorbe, lo cual obliga a el uso de **modelos físico**, lo que a su vez obliga a una retroalimentación cíclica recurrente y el uso de información obtenida por otras técnicas. Existen en el mercado software creado exclusivamente para ajuste de datos de EXAFS; un ejemplo de ello es WinXas (uno de los mejores), el cual es muy útil para estructuras más simples. Para el caso en que se tengan asimetrías complejas como las nuestras (ver Capítulo IV), no es posible con los software existentes considerar las distorsiones locales que pudieran existir en un aglomerado de esta naturaleza. Por esta razón hubo la necesidad de desarrollar un software que permitiera el modelado de estructuras atómicas.

Los parámetros libres en la ecuación de EXAFS, tienen que ser cuidados muy meticulosamente pues en principio se obtenían muy buenos ajustes desde el punto de vista visual pero información desastrosa cuando se observaban los parámetros, ya que no eran congruentes con una realidad física. Por ejemplo S₀ es un factor reductor de la amplitud en la ecuación de EXAFS y trata de prever la presencia de muchos cuerpos alrededor del átomo que emite, cuando el átomo está aislado S₀ = 1, por tanto cuando en el ajuste se tienen valores mayores a uno no tiene ningún significado físico y se desecha el ajuste por muy bueno que éste halla sido, lo mismo sucede con E₀ los factores de Debve-Waller o los números de coordinación.

VI.B. Consideraciones especiales durante el ajuste

Aunque se experimentó con bastantes situaciones en el manejo de los parámetros, la siguiente configuración de los parámetros de ajuste son los que representan un significado físico más congruente además de proporcionar un ajuste muy completo, la consideraciones tomadas fueron las siguientes.

- La Universidad de Washington¹ proporciona un software llamado FEFF.exe el cual es usado para determinar las fases y amplitudes usadas en el análisis por EXAFS, en los resultados que muestra uno de ellos es la energía E₀ la cual si hacemos ligeras variaciones no influye mucho en el ajuste razón por la que se mantuvo fija durante el ajuste de los datos.
- Las distancias R de los átomos vecinos al arsénico, se mantienen fijas pues estas se mueven de manera indirecta a través de los parámetros α y β para el aglomerado de acuerdo al tipo de modelo usado.
- Los factores de Debye-Waller se mantienen fijas pues se han correlacionado a las distancias radiales R de la forma o² = w R². El software tiene una instrucción en pantalla para realizar esta correlación de manera automática.
- Los números de coordinación están intrínsicamente ligados al tipo de modelo, razón por la cual se escogen desde el mismo modelo durante el ajuste.
- S₀ se mantuvo fijo (e igual a uno) durante el ajuste pues en su lugar se colocaron en cada
 modelo un factor que regulara la amplitud en la ecuación de EXAFS ese factor es
 precisamente el porcentaje de la aportación de cada modelo en el ajuste y es el que nos
 indicará la magnitud de esos aglomerados en cada muestra para los diferentes tratamientos
 térmicos que se hicieron. Se espera que la suma de estos factores de l o muy cercano a ello.
- Otro aspecto importante que hay que resaltar es que las mediciones de EXAFS se hicieron a temperatura ambiente y es de esperarse que los diferentes tipos de aglomerados que estamos proponiendo en el modelo tengan el mismo defecto o estructura y que lo único que puede variar es la cantidad presente en esas muestras.
- El gran reto llega a su fin cuando el ajuste lo hacemos para todas las muestras a la vez, donde lo único que puede variar entre muestra y muestra es el porcentaje de influencia de los modelos utilizados.
- A continuación mostramos una serie de gráficos con los ajustes realizados



Figura VI.1 Ajuste realizado en el espacio R, existen pequeñas discrepancias entre la curva experimental y la de ajuste, principalmente a segundos y terceros vecinos.



Figura VI.2 Ajuste de cuatro archivos de datos experimentales

VI.C. Discusión de los resultados del análisis

En la siguiente tabla y figura se muestra la tendencia de la población de los distintos defectos en función de la temperatura de equilibrio.

Tabla VI.1 Porcentajes de cada uno de los modelos en el ajuste de los datos experimentales para las muestras de 500-900 °C de tratamiento térmico, comparadas con la de sin tratamiento (STD.

| Temp | As4-V | As3-V-Si | As2-V-Si2 | Si4-As |
|------|-------|----------|-----------|--------|
| 500 | 11 | 22 | 25 | 38 |
| 600 | 13 | 18 | 25 / | 34 |
| 700 | 11 | 17 | 28 | 34 |
| 800 | 11 | 19 | 27 | 38 |
| 900 | 3 | 1 19 | 35 | 38 |
| ST | 11 | 14 | 8 | 67 |



Figura VI.3 En esta figura se muestra la influencia de cada uno de los modelos y su variación con respecto a la temperatura de tratamiento

Los detalles de las estructuras de los defectos creados alrededor de la vacancia están descritos en la siguiente figura.





Obsérvese como en todos los casos, el silicio tiende a ocupar el lugar de la vacancia, mientras que los arsénicos tienden a repelerse entre ellos, esto es quizás debido a la repulsión del par libre que tienen y que apunta hacia la vacancia. En la figura(IV.4) se puede ver como el agregado correspondiente a As2-V-Si2, empieza a incrementarse rápidamente conforme aumenta la temperatura, esto mismo lo había mostrado M. Berding con cálculos ab initio. De igual manera las distancias interatómicas por ejemplo a primeros vecinos son del orden de 2.32 a 2.40 Å, dependiendo del modelo y que no están muy lejos de los obtenidos por Pandey et al. O M. Berding et al. que andan del orden de 2.38-2.40 Å.

VII. Conclusiones y Perspectivas

VII.A. Conclusiones

En este estudio se obtuvieron los siguientes logros y conclusiones:

- Se planteó un modelo estructural para la formación de aglomerados de arsénico en la matriz de silicio. Para introducir el modelo estructural en el análisis cuantitativo de los datos experimentales de EXAFS fue necesario desarrollar un software de 22,000 líneas de código fuente.
- Se cuantificó la variación de la concentración de los aglomerados en función de la temperatura de tratamiento. La presencia del aglomerado As₂-V-Si₂ crece con la temperatura de tratamiento, comprobando experimentalmente la predicción teórica de M. Berding et al.². De igual forma sucede con la conservación del aglomerado Si₄-As el cual se mantiene casi constante a diferentes temperaturas.
- Los detalles de la estructura de los agregados fueron dilucidadas experimentalmente. Las distancias As-Si son del orden de 2.32-2.40 Å (depende del modelo), en ligero desacuerdo con los valores reportados por Pandey et al.³ y Parisini et al.⁴.

VII.B. Perspectivas y trabajo futuro

- Aunque se logró extraer la estructura de los defectos responsables de la desactivación eléctrica de arsénico en silicio, es necesario realizar la caracterización eléctrica para complementar los resultados obtenidos.
- En este trabajo se supuso que la estructura global de los defectos es del tipo propuesta por Cargil III. Con el método aquí desarrollado será posible discriminar la relevancia de otros modelos. Aunque resultados preliminares indicaron que el modelo propuesto por Chadi et al.⁵ (distorsiones angulares) no reproduce adecuadamente los resultados de EXAFS, aún no se le ha estudiado en detalle.
- Existe también la necesidad de hacer unas adecuaciones finales al software desarrollado para hacerlo más versátil y útil para incorporar fácilmente cualquier tipo de estructura.

Apéndice A: Fases y Amplitudes

Las fases y amplitudes para cada modelo propuesto dependen de cada trayectoria y fueron calculadas a partir de un software realizado en la Universidad de Washington,⁶ llamado feff.exe, es un software hecho en lenguaje Fortran especialmente para esta clase de investigaciones

A. Modelo 1 (V-As₄)

En la siguiente tabla se muestra una lista de fefficox dat con su respectiva aportación (relación de amplitud), su degeneración (deg) que corresponde al número de vecinos con esa trayectoria, el número de tramos (nlegs) que recorre el fotoelectrón para nlegs=2 corresponde a una dispersión simple(single-scattering) y para nlegs>2 corresponde a una dispersión múltiple.

| File | amp ratio | deg | nlegs | r effective |
|--------------|-----------|--------|-------|-------------|
| feff0001.dat | 100.000 | 3.000 | 2 | 2.3516 |
| feff0002.dat | 71.914 | 9.000 | 2 | 3.8401 |
| feff0003.dat | 29.781 | 3.000 | 2 | 3.8401 |
| feff0004.dat | 3.875 | 6.000 | 3 | 4.2716 |
| feff0005.dat | 27.909 | 18.000 | 3 | 4.2716 |
| feff0006.dat | 58.407 | 12.000 | 2 | 4.5029 |
| feff0008.dat | 4.483 | 9.000 | 4 | 4.7031 |
| feff0009.dat | 3.798 | 24.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0010.dat | 12.203 | 36.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0011.dat | 13.450 | 36.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0012.dat | 4.430 | 12.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0013.dat | 15.869 | 6.000 | 2 | 5.4307 |
| feff0014.dat | 4.871 | 30.000 | 3 | 5.7601 |
| feff0015.dat | 23.740 | 12.000 | 2 | 5.9180 |
| feff0016.dat | 6.126 | 12.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0017.dat | 2.741 | 6.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0018.dat | 12.728 | 18.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0019.dat | 12.722 | 18.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0020.dat | 4.200 | 6.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0021.dat | 4.072 | 18.000 | 3 | 6.1426 |
| feff0022.dat | 5.908 | 24.000 | 3 | 6.1426 |
| feff0023.dat | 3.526 | 12.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0024.dat | 3.093 | 9.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0025.dat | 3.816 | 9.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0026.dat | 6.521 | 18.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0027.dat | 4.829 | 54.000 | 3 | 6.4229 |
| feff0028.dat | 4.129 | 36.000 | 3 | 6.4229 |

Tabla VII.1 Concentrado de las diferentes trayectorias que tiene el fotoelectrón para una estructura correspondiente al modelo 1

| File | amp ratio | deg | nlegs | r effective |
|--------------|-----------|--------|-------|-------------|
| feff0029.dat | 4.565 | 36.000 | 3 | 6.5554 |
| feff0030.dat | 31.629 | 24.000 | 2 | 6.6512 |
| feff0031.dat | 6.363 | 18.000 | 3 | 6.7528 |
| feff0032.dat | 11.452 | 18.000 | 3 | 6.7528 |
| feff0033.dat | 15.567 | 24.000 | 3 | 6.7528 |
| feff0034.dat | 4.530 | 18.000 | 4 | 6.8544 |
| feff0035.dat | 3.534 | 9.000 | 4 | 6.8545 |
| feff0036.dat | 5.705 | 12.000 | 4 | 6.8545 |
| feff0037.dat | 17.092 | 16.000 | 2 | 7.0547 |
| feff0038.dat | 2.937 | 36.000 | 3 | 7.1305 |
| feff0039.dat | 4.215 | 48.000 | 3 | 7.1305 |
| feff0040.dat | 9.697 | 72.000 | 3 | 7.1657 |
| feff0041.dat | 3.799 | 24.000 | 3 | 7.1657 |
| feff0045.dat | 4.370 | 24.000 | 3 | 7.4185 |
| feff0046.dat | 5.085 | 48.000 | 3 | 7.4604 |
| feff0047.dat | 9.408 | 12.000 | 2 | 7.6802 |
| feff0048.dat | 16.522 | 18.000 | 3 | 7.6802 |
| feff0049.dat | 5.616 | 6.000 | 3 | 7.6802 |
| feff0050.dat | 9.894 | 9.000 | 4 | 7.6802 |
| feff0051.dat | 3.596 | 3.000 | 4 | 7.6802 |
| feff0052.dat | 2.873 | 54.000 | 3 | 7.6988 |
| feff0053.dat | 4.662 | 54.000 | 3 | 7.6988 |
| feff0054.dat | 6.511 | 72.000 | 3 | 7.6988 |
| feff0055.dat | 5.456 | 96.000 | 3 | 7.8285 |
| feff0057.dat | 2.678 | 48.000 | 3 | 7.9610 |
| feff0059.dat | 3.322 | 24.000 | 3 | 7.9748 |
| feff0062.dat | 4.000 | 48.000 | 3 | 8.0287 |
| feff0063.dat | 15.934 | 24.000 | 2 | 8.0321 |

Aunque se tienen 54 trayectorias calculadas obsérvese que el radio efectivo sobrepasa en mucho a los datos experimentales de EXAFS en el espacio R, esto quiere decir que solamente los feffixxx con valores del radio efectivo menores a 6 Å tienen sentido usarlos en la aproximación de los datos. A continuación como ejemplo pondremos el contenido de un archivo feffixxx.dat, pues es de estos archivos donde el programa lee los datos para la ecuación de EXAFS.

Feff0001.dat

| 2, | 3.000, | 2.351, | 6, | 2.8530, | -4.77875 | nleg, deg, r_eff, | rnrmav(bohr), edge |
|----|--------|--------|----|---------|----------|-------------------|--------------------|
|----|--------|--------|----|---------|----------|-------------------|--------------------|

| k | real[2*phc] | mag[feff] | phase[feff |] red factor | lambda | real[p]@# |
|------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| .000 | 5.4785E+00 | 0.0000E+00 | -5.3371E+00 | 1.000E+00 | 1.1209E+01 | 1.8932E+00 |
| .100 | 5.4784E+00 | 3.3356E-02 | -5.7982E+00 | 1.000E+00 | 1.1224E+01 | 1.8957E+00 |
| .200 | 5.4780E+00 | 6.6178E-02 | -6.2409E+00 | 1.002E+00 | 1.1268E+01 | 1.9033E+00 |
| .300 | 5.4772E+00 | 9.7928E-02 | -6.6657E+00 | 1.004E+00 | 1.1338E+01 | 1.9158E+00 |

| k | real[2*phc] | mag[feff] | phase[feff |] red factor | lambda | real[p]@# |
|--------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| .400 | 5.4756E+00 | 1.2806E-01 | -7.0730E+00 | 1.007E+00 | 1.1431E+01 | 1.9333E+00 |
| .500 | 5.4729E+00 | 1.5602E-01 | -7.4637E+00 | 1.010E+00 | 1.1540E+01 | 1.9555E+00 |
| .600 | 5.4684E+00 | 1.8128E-01 | -7.8391E+00 | 1.015E+00 | 1.1658E+01 | 1.9823E+00 |
| .700 | 5.4617E+00 | 2.0333E-01 | -8.2006E+00 | 1.019E+00 | 1.1778E+01 | 2.0137E+00 |
| .800 | 5.4523E+00 | 2.2176E-01 | -8.5503E+00 | 1.024E+00 | 1.1890E+01 | 2.0493E+00 |
| .900 | 5.4397E+00 | 2.3631E-01 | -8.8908E+00 | 1.030E+00 | 1.1985E+01 | 2.0891E+00 |
| 1.000 | 5.4234E+00 | 2.4697E-01 | -9.2252E+00 | 1.036E+00 | 1.2056E+01 | 2.1329E+00 |
| 1.100 | 5.4029E+00 | 2.5410E-01 | -9.5572E+00 | 1.042E+00 | 1.2095E+01 | 2.1805E+00 |
| 1.200 | 5.3780E+00 | 2.5863E-01 | -9.8909E+00 | 1.048E+00 | 1.2096E+01 | 2.2319E+00 |
| 1.300 | 5.3483E+00 | 2.6221E-01 | -1.0230E+01 | 1.054E+00 | 1.2056E+01 | 2.2869E+00 |
| 1.400 | 5.3136E+00 | 2.6728E-01 | -1.0575E+01 | 1.061E+00 | 1.1976E+01 | 2.3454E+00 |
| 1.500 | 5.2736E+00 | 2.7690E-01 | -1.0923E+01 | 1.067E+00 | 1.1858E+01 | 2.4075E+00 |
| 1.600 | 5.2281E+00 | 2.9403E-01 | -1.1264E+01 | 1.074E+00 | 1.1708E+01 | 2.4731E+00 |
| 1.700 | 5.1769E+00 | 3.2058E-01 | -1.1584E+01 | 1.080E+00 | 1.1536E+01 | 2.5421E+00 |
| 1.800 | 5.1199E+00 | 3.5663E-01 | -1.1870E+01 | 1.086E+00 | 1.1353E+01 | 2.6147E+00 |
| 1.900 | 5.0568E+00 | 4.0048E-01 | -1.2116E+01 | 1.091E+00 | 1.1172E+01 | 2.6910E+00 |
| 2.000 | 4.9874E+00 | 4.4920E-01 | -1.2321E+01 | 1.096E+00 | 1.1011E+01 | 2.7711E+00 |
| 2.200 | 4.8180E+00 | 5.4499E-01 | -1.2607E+01 | 1.101E+00 | 1.0819E+01 | 2.9481E+00 |
| 2.400 | 4.6194E+00 | 6.8434E-01 | -1.2796E+01 | 1.217E+00 | 7.2085E+00 | 3.1427E+00 |
| 2.600 | 4.5543E+00 | 8.3372E-01 | -1.3067E+01 | 1.298E+00 | 5.8733E+00 | 3.2808E+00 |
| 2.800 | 4.5032E+00 | 9.2004E-01 | -1.3321E+01 | 1.335E+00 | 5.3534E+00 | 3.4143E+00 |
| 3.000 | 4.4346E+00 | 9.4998E-01 | -1.3565E+01 | 1.348E+00 | 5.1221E+00 | 3.5587E+00 |
| 3.200 | 4.3594E+00 | 9.5266E-01 | -1.3803E+01 | 1.343E+00 | 5.0406E+00 | 3.7093E+00 |
| 3.400 | 4.2779E+00 | 9.3962E-01 | -1.4026E+01 | 1.325E+00 | 5.0479E+00 | 3.8654E+00 |
| 3.600 | 4.1900E+00 | 9.1671E-01 | -1.4231E+01 | 1.299E+00 | 5.1143E+00 | 4.0264E+00 |
| 3.800 | 4.0964E+00 | 8.9007E-01 | -1.4417E+01 | 1.267E+00 | 5.2231E+00 | 4.1918E+00 |
| 4.000 | 3.9988E+00 | 8.6036E-01 | -1.4586E+01 | 1.237E+00 | 5.3642E+00 | 4.3610E+00 |
| 4.200 | 3.8993E+00 | 8.3236E-01 | -1.4743E+01 | 1.208E+00 | 5.5312E+00 | 4.5336E+00 |
| 4.400 | 3.7992E+00 | 8.0566E-01 | -1.4888E+01 | 1.181E+00 | 5.7194E+00 | 4.7092E+00 |
| 4.600 | 3.6989E+00 | 7.8115E-01 | -1.5024E+01 | 1.156E+00 | 5.9257E+00 | 4.8874E+00 |
| 4.800 | 3.5984E+00 | 7.5698E-01 | -1.5151E+01 | 1.134E+00 | 6.1476E+00 | 5.0678E+00 |
| 5.000 | 3.4979E+00 | 7.3290E-01 | -1.5271E+01 | 1.114E+00 | 6.3834E+00 | 5.2503E+00 |
| 5.200 | 3.3974E+00 | 7.0785E-01 | -1.5386E+01 | 1.097E+00 | 6.6315E+00 | 5.4344E+00 |
| 5.400 | 3.2964E+00 | 6.7986E-01 | -1.5493E+01 | 1.082E+00 | 6.8908E+00 | 5.6201E+00 |
| 5.600 | 3.1950E+00 | 6.4988E-01 | -1.5596E+01 | 1.069E+00 | 7.1605E+00 | 5.8072E+00 |
| 5.800 | 3.0931E+00 | 6.1776E-01 | -1.5696E+01 | 1.057E+00 | 7.4397E+00 | 5.9954E+00 |
| 6.000 | 2.9908E+00 | 5.8377E-01 | -1.5792E+01 | 1.048E+00 | 7.7277E+00 | 6.1847E+00 |
| 6.500 | 2.7353E+00 | 5.0015E-01 | -1.6018E+01 | 1.027E+00 | 8.4834E+00 | 6.6618E+00 |
| 7.000 | 2.4848E+00 | 4.2924E-01 | -1.6222E+01 | 1.010E+00 | 9.2848E+00 | 7.1432E+00 |
| 7.500 | 2.2453E+00 | 3.7728E-01 | -1.6402E+01 | 9.952E-01 | 1.0127E+01 | 7.6280E+00 |
| 8.000 | 2.0197E+00 | 3.3725E-01 | -1.6565E+01 | 9.820E-01 | 1.1007E+01 | 8.1154E+00 |
| 8.500 | 1.8069E+00 | 3.0050E-01 | -1.6724E+01 | 9.710E-01 | 1.1922E+01 | 8.6048E+00 |
| 9.000 | 1.6034E+00 | 2.6365E-01 | -1.6888E+01 | 9.633E-01 | 1.2869E+01 | 9.0958E+00 |
| 9.500 | 1.4064E+00 | 2.2993E-01 | -1.7051E+01 | 9.582E-01 | 1.3847E+01 | 9.5881E+00 |
| 10.000 | 1.2153E+00 | 2.0308E-01 | -1.7198E+01 | 9.545E-01 | 1.4854E+01 | 1.0081E+01 |
| 11.000 | 8.5805E-01 | 1.6534E-01 | -1.7441E+01 | 9.471E-01 | 1.6950E+01 | 1.1070E+01 |

| k | real[2*phc] | mag[feff] | phase[feff |] red factor | lambda | real[p]@# |
|--------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 12.000 | 5.3277E-01 | 1.3301E-01 | -1.7719E+01 | 9.379E-01 | 1.9148E+01 | 1.2062E+01 |
| 13.000 | 2.2342E-01 | 1.0868E-01 | -1.7972E+01 | 9.313E-01 | 2.1442E+01 | 1.3055E+01 |
| 14.000 | -6.8139E-02 | 9.1657E-02 | -1.8165E+01 | 9.270E-01 | 2.3824E+01 | 1.4049E+01 |
| 15.000 | -3.3778E-01 | 7.7513E-02 | -1.8415E+01 | 9.242E-01 | 2.6290E+01 | 1.5045E+01 |
| 16.000 | -5.9202E-01 | 6.6311E-02 | -1.8600E+01 | 9.238E-01 | 2.8836E+01 | 1.6041E+01 |
| 17.000 | -8.3186E-01 | 5.7563E-02 | -1.8765E+01 | 9.241E-01 | 3.1456E+01 | 1.7038E+01 |
| 18.000 | -1.0574E+00 | 5.0865E-02 | -1.8983E+01 | 9.246E-01 | 3.4148E+01 | 1.8035E+01 |
| 19.000 | -1.2717E+00 | 4.4353E-02 | -1.9127E+01 | 9.261E-01 | 3.6908E+01 | 1.9032E+01 |
| 20.000 | -1.4762E+00 | 3.8258E-02 | -1.9304E+01 | 9.277E-01 | 3.9733E+01 | 2.0030E+01 |

Tabla VII.2 Fases y amplitudes calculadas a través del programa feff.exe de la Universidad de Washington

Como puede verse, cada columna corresponde a un valor de los parámetros en la ecuación de EXAFS para cada valor de K (Å⁻¹), donde K está en función de la energía, existe una línea en los primeros renglones de comentarios del archivo donde se muestran los valores de nleg, deg, r_eff y la energía (edge), todos los feffxxx.dat tienen el mismo orden con información similar, por lo que no es necesario mostrar cada uno de ellos.

B. Modelo 2 (Si-V-As₃)

| file | amp ratio | deg | nlegs | r effective |
|--------------|-----------|--------|-------|-------------|
| feff0001.dat | 100.000 | 3.000 | 2 | 2.3516 |
| feff0002.dat | 79.910 | 10.000 | 2 | 3.8401 |
| feff0003.dat | 19.856 | 2.000 | 2 | 3.8401 |
| feff0004.dat | 3.872 | 6.000 | 3 | 4.2716 |
| feff0005.dat | 27.877 | 18.000 | 3 | 4.2716 |
| feff0006.dat | 58.411 | 12.000 | 2 | 4.5029 |
| feff0008.dat | 4.472 | 9.000 | 4 | 4.7031 |
| feff0009.dat | 4.428 | 28.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0010.dat | 12.191 | 36.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0011.dat | 14.929 | 40.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0012.dat | 15.869 | 6.000 | 2 | 5.4307 |
| feff0013.dat | 5.515 | 34.000 | 3 | 5.7601 |
| feff0014.dat | 23.741 | 12.000 | 2 | 5.9180 |
| feff0015.dat | 7.145 | 14.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0016.dat | 12.715 | 18.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0017.dat | 14.119 | 20.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0018.dat | 2.796 | 4.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0019.dat | 4.068 | 18.000 | 3 | 6.1426 |
| feff0020.dat | 5.903 | 24.000 | 3 | 6.1426 |
| feff0021.dat | 4.107 | 14.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0022.dat | 3.086 | 9.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0023.dat | 4.228 | 10 000 | 4 | 6.1916 |

| file | amp ratio | deg | nlegs | r effective |
|--------------|-----------|--------|-------|-------------|
| feff0024.dat | 6.504 | 18.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0025.dat | 5.361 | 60.000 | 3 | 6.4229 |
| feff0026.dat | 4.124 | 36.000 | 3 | 6.4229 |
| feff0027.dat | 5.069 | 40.000 | 3 | 6.5554 |
| feff0028.dat | 31.630 | 24.000 | 2 | 6.6512 |
| feff0029.dat | 6.362 | 18.000 | 3 | 6.7528 |
| feff0030.dat | 11.442 | 18.000 | 3 | 6.7528 |

Tabla VII.3 Listado de Feffxxx.dat para el modelo, mostrando únicamente las primeras 30 trayectorias

C. Modelo 3 (Si₂V-As₂)

| file | amp ratio | deg | nlegs | r effect |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|
| feff0001.dat | 100.000 | 3.000 | 2 | 2.3516 |
| feff0002.dat | 87.905 | 11.000 | 2 | 3.8401 |
| feff0003.dat | 9.929 | 1.000 | 2 | 3.8401 |
| feff0004.dat | 3.869 | 6.000 | 3 | 4.2716 |
| feff0005.dat | 27.848 | 18.000 | 3 | 4.2716 |
| feff0006.dat | 58.414 | 12.000 | 2 | 4.5029 |
| feff0008.dat | 4.462 | 9.000 | 4 | 4.7031 |
| feff0009.dat | 5.058 | 32.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0010.dat | 12.181 | 36.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0011.dat | 16.405 | 44.000 | 3 | 5.3473 |
| feff0012.dat | 15.870 | 6.000 | 2 | 5.4307 |
| feff0013.dat | 6.483 | 40.000 | 3 | 5.7601 |
| feff0014.dat | 23.741 | 12.000 | 2 | 5.9180 |
| feff0015.dat | 8.163 | 16.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0016.dat | 12.702 | 18.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0017.dat | 15.515 | 22.000 | 3 | 6.0548 |
| feff0018.dat | 4.065 | 18.000 | 3 | 6.1426 |
| feff0019.dat | 5.899 | 24.000 | 3 | 6.1426 |
| feff0020.dat | 4.688 | 16.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0021.dat | 3.080 | 9.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0022.dat | 4.639 | 11.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0023.dat | 6.488 | 18.000 | 4 | 6.1916 |
| feff0024.dat | 5.893 | 66.000 | 3 | 6.4229 |
| feff0025.dat | 4.120 | 36.000 | 3 | 6.4229 |
| feff0026.dat | 5.572 | 44.000 | 3 | 6.5554 |
| feff0027.dat | 31.631 | 24.000 | 2 | 6.6512 |
| feff0028.dat | 6.360 | 18.000 | 3 | 6.7528 |
| feff0029.dat | 11.433 | 18.000 | 3 | 6.7528 |
| feff0030.dat | 15.540 | 24.000 | 3 | 6.7528 |

Tabla VII.4 Listado de feffixxx.dat, obsérvese la variación en la degeneración (deg) y la relación de amplitud con respecto al modelo anterior

| | file | sig2 | amp ratio | deg | nlegs | r effective |
|---|--------------|--------|-----------|--------|-------|-------------|
| | feff0001.dat | .00000 | 100.000 | 4.000 | 2 | 2.3516 |
| | feff0002.dat | .00000 | 71.914 | 12.000 | 2 | 3.8401 |
| | feff0003.dat | .00000 | 5.803 | 12.000 | 3 | 4.2716 |
| | feff0004.dat | .00000 | 27.856 | 24.000 | 3 | 4.2716 |
| | feff0005.dat | .00000 | 43.811 | 12.000 | 2 | 4.5029 |
| | feff0007.dat | .00000 | 4.463 | 12.000 | 4 | 4.7031 |
| | feff0008.dat | .00000 | 2.996 | 12.000 | 4 | 4.7031 |
| | feff0009.dat | .00000 | 5.694 | 48.000 | 3 | 5.3473 |
| | feff0010.dat | .00000 | 12.189 | 48.000 | 3 | 5.3473 |
| | feff0011.dat | .00000 | 13.436 | 48.000 | 3 | 5.3473 |
| | feff0012.dat | .00000 | 11.904 | 6.000 | 2 | 5.4307 |
| | feff0013.dat | .00000 | 5.840 | 48.000 | 3 | 5.7601 |
| | feff0014.dat | .00000 | 17.808 | 12.000 | 2 | 5.9180 |
| | feff0015.dat | .00000 | 9.182 | 24.000 | 3 | 6.0548 |
| | feff0016.dat | .00000 | 12.681 | 24.000 | 3 | 6.0548 |
| | feff0017.dat | .00000 | 12.671 | 24.000 | 3 | 6.0548 |
| | feff0018.dat | .00000 | 4.067 | 24.000 | 3 | 6.1426 |
| | feff0019.dat | .00000 | 4.427 | 24.000 | 3 | 6.1426 |
| | feff0020.dat | .00000 | 5.383 | 24.000 | 4 | 6.1916 |
| | feff0021.dat | .00000 | 3.742 | 24.000 | 4 | 6.1916 |
| | feff0022.dat | .00000 | 3.079 | 12.000 | 4 | 6.1916 |
| | feff0023.dat | .00000 | 3.768 | 12.000 | 4 | 6.1916 |
| | feff0024.dat | .00000 | 6.485 | 24.000 | 4 | 6.1916 |
| | feff0025.dat | .00000 | 4.826 | 72.000 | 3 | 6.4229 |
| | feff0026.dat | .00000 | 3.095 | 36.000 | 3 | 6.4229 |
| 1 | feff0027.dat | .00000 | 4.565 | 48.000 | 3 | 6.5554 |
| 1 | feff0028.dat | .00000 | 23.723 | 24.000 | 2 | 6.6512 |
| 1 | feff0029.dat | .00000 | 6.359 | 24.000 | 3 | 6.7528 |
| | feff0030.dat | .00000 | 11.432 | 24.000 | 3 | 6.7528 |

D. Modelo 4 (Si4-As)

Tabla VII.5 Listado de feffxxx.dat para el modelo Si4As

Apéndice B: Código fuente de la rutina de ajuste

A. Programa principal

/*Programa principal, ajusta todos los archivos de datos activos, con los mismos parámetros,

pero variando los porcentajes de ajuste para cada modelo usado*/

```
void __fastcall TFirm3::ActionsFitAllTogetherExecute(TObject *Sender)
```

```
int typeSpaceFitting:
```

```
youJustFittedLabel->Caption = "all together";
typeSpaceFitting = checkTypeSpaceFitting();
checkIfUseModels();
FitAllFiles(typeSpaceFitting);
```

}

B. FitAllFiles()

/* Sub-rutina encargada de identificar los archivos de datos activos y de acuerdo al tipo de ajuste (typeSpaceFitting), y obtiene en cualquiera de los casos los mejores parámetros para el ajuste de acuerdo al metodo de Levenberg.

```
void TFirm3::FitAllFiles(int typeSpaceFitting)
#define FREEALL free vector(p. 1, numFreeVariables);
  int
                          i:
                         *p;
  float
  int
                         iter;
  float
                         chisqMin;
  int
                         numFreeVariables, numFreeAreas;
  double
                         *freeVariablesPtr[maxNumFreeVar];
  hool
                         tooManyVariables:
  TWaitCursor wait
                         // show hourglass
                    // cursor restored on exit of block
  singularity = false;
  for( i=0; i<maxFiles; i++ )
   if ( Data[i].fit )
     if ( typeSpaceFitting == spaceR )
       InitializeOneCurve( &Data[i].FitCurveAbs[typeSpaceFitting] );
       InitializeOneCurve( &Data[i].FitCurveRe );
       InitializeOneCurve( &Data[i].FitCurveIm );
     else
       InitializeOneCurve( &Data[i].FitCurveAbs[typeSpaceFitting] );
        GetModifiedCurve(i):
```

}

```
if( !FindXRegionForFitting( &rectToFit, typeSpaceFitting ) )
         return:
   iff useModels )
 CreateFreeVariablesVectorWithModel(&numFreeVariables, &numFreeAreas, freeVariablesPtr, typeSpaceFitting,
 tooManyVariables):
   else
       CreateFreeVariablesVector(&numFreeVariables, &numFreeAreas, freeVariablesPtr.
         &tooManyVariables, typeSpaceFitting);
   if( tooManyVariables )
     Application->MessageBox( "too many free variables!", "AAnalyzer --> Warning!", MB OK);
     tooManyVariables = false:
     return:
   else if( numFreeVariables == 0 )
     if( useModels )
           GetFitAndChisgModels(typeSpaceFitting);
     else
           GetFitAndChisg(typeSpaceFitting):
     if( singularity )
          return:
   3
   else
        p = vector(1, numFreeVariables);
     for( i=1; i<=numFreeVariables; i++ )
          p[i] = *freeVariablesPtr[i-1];
     ObtainBestParametersLevenberg( p, numFreeVariables, numFreeAreas, tolerance, &iter, &chisqMin,
typeSpaceFitting ):
     if( singularity )
       FREFALL
       return:
     if( stop )
       stop = false;
       stopAbove = true:
     FREEALL
/* if( !individualExponential )
  for( i=0; i<maxFiles; i++ )
    Data[i].exponent = exponent; */
  UpdateAllBoxes():
  MessageBeen(1):
#undef FREEALL
```

C. CreateFreeVariablesVectorWithModel()

/*Sub-Rutina encargada de identificar y formar el vector de variables libres usando los modelos

propuestos en el presente proyecto, los guarda en un vector.*/

```
void TFirm3::CreateFreeVariablesVectorWithModel(int *numFreeVarPtr, int *numFreeAreasPtr, double 
*freeVariablesPtr[].
```

```
int typeSpace, bool tooManyVariablesPtr )
  int
                i. i:
                numFreeVar = 0
  int
 tooManyVariablesPtr = false:
 for (i=0: i<maxModels: i++)
   if( model[i].modelActive )
     if( model[i] fraction Vary vary == free || model[i] fraction Vary vary == limited )
       for( j=0; j<maxFiles; j++ )
          if( Data[i] gotModifiedCurveAbs[typeSpace] && Data[i].fit )
         ٤
            freeVariablesPtr(numFreeVar) = &Data[i] fractionModel[i]:
            numFreeVar++;
 *numFreeAreasPtr = numFreeVar;
 for (i=0: i<maxModels: i++)
   if( model[i].modelActive )
     for( i=0: i<maxPeaks; i++ )
       if( model[i].peak[i].active )
       ŧ
           if( model[i].peak[j].energyVary.vary == free || model[i].peak[j].energyVary.vary == limited )
           freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].peak[i].energy;
            numFreeVar++;
         if( model[i].peak[i].gaussVary.vary == free || model[i].peak[i].gaussVary.vary == limited )
           freeVariablesPtr[numFreeVar] = & model[i].peak[i].gauss;
           numFreeVar++;
          else if (model[i].peak[j].gaussVary.vary == correlated &&
strcmp(model[i].peak[j].gaussVary.correlation, "correlationSigmaOfRatio") == 0 )
           freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].peak[j].factorSigma;
           numFreeVar++;
        if( model[i].peak[j].branchingRatioVary.vary == free ||
   model[i].peak[j].branchingRatioVary.vary == limited )
          freeVariablesPtr(numFreeVar) = &model[i].peak[j].branchingRatio;
           numFreeVar++:
```

```
switch (i)
case model4AsV:
     if( model[i].alphaAsVary.vary = free || model[i].alphaAsVary.vary = limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].alphaAs;
             numFreeVar++
     if( model[i].betaSiVary.vary == free || model[i].betaSiVary.vary == limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = & model[i].betaSi:
             numFreeVar++:
     if( model[i].S0Vary.vary == free || model[i].S0Vary.vary == limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = & model[i].S0:
             numFreeVar++:
     break:
case model3AsVSi:
     if( model[i].alphaAsVary.vary == free || model[i].alphaAsVary.vary == limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].alphaAs;
             numFreeVar++:
     if( model[i].alphaSiVary.vary == free || model[i].alphaSiVary.vary == limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].alphaSi;
             numFreeVar++:
     if( model[i].betaSiVary.vary == free || model[i].betaSiVary.vary == limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].betaSi;
             numFreeVar++;
     if( model[i].S0Vary.vary == free || model[i].S0Vary.vary == limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].S0;
             numFreeVar++;
    break;
case model2AsV2Si:
     if( model[i].alphaAsVary.vary == free || model[i].alphaAsVary.vary == limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].alphaAs;
             numFreeVar++:
     if( model[i].alphaSiVary.vary == free || model[i].alphaSiVary.vary == limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].alphaSi;
             numFreeVar++:
     if( model[i].betaSiVary.vary == free || model[i].betaSiVary.vary == limited )
             freeVariablesPtr[numFreeVar] = &model[i].betaSi;
```

```
numFreeVar++
       if( model[i].S0Vary.vary == free || model[i].S0Vary vary == limited )
               freeVariablesPtr[numFreeVar] = & model[i] S0:
               numFreeVar++
       break.
  case modelAs4Si
       if( model[i].alphaSiVary.vary == free || model[i].alphaSiVary.vary == limited )
       ł
               freeVariablesPtr[numFreeVar] = & model[i].alphaSi:
               numFreeVar++:
       if( model[i].betaSiVary.vary == free || model[i].betaSiVary.vary == limited )
               freeVariablesPtrInumFreeVarl = & modelfil.betaSi:
               numFreeVar++:
       if( model[i].S0Vary.vary == free || model[i].S0Vary.vary == limited )
               freeVariablesPtrInumFreeVarl = & model[i] S0:
               numFreeVar++:
 //end of switch
}// end of if ( model[i].modelActive )
*numFreeVarPtr = numFreeVar;
if( numFreeVar > maxNumFreeVar )
 tooManyVariablesPtr = true;
  return;
```

D. GetXExpChainandYExpChainandTotNumP()

3

/*En el metodo de Levenberg es necesario colocar todos los archivos activos para ajustar en un vector, esta Sub-Rutina se encarga de establecer la magnitud de este vector de acuerdo a los datos activos en el ajuste, asi como del tipo de ajuste a realizar (ajuste en el espacio K o en el espacio R)*/

```
void TFirm3::GetXExpChainandYExpChainandTotNumP(double *x, double *y, int *totalNumPPtr, int typeSpace )
{
    int i, j, numP,
    int m = 0,
    switch (typeSpace)
    {
    case spaceK:
        for i = 0; / (smaxFiles, i++ )
    }
}
```

```
if( Data[i].gotModifiedCurvcAbs[typeSpace] && Data[i].fit )
```

```
ł
            numP = Data[i].ModifiedCurveAbs[typeSpace].numP:
            for( i=0: i<numP: i++ )
                 x[m] = Data[i].ModifiedCurveAbs[typeSpace].x[i];
                 v[m] = Data[i].ModifiedCurveAbs[typeSpace].v[i];
                 m++:
         3
       *totalNumPPtr = m:
       break:
  case spaceR:
       for( i=0; i<maxFiles; i++ )
         iff Data[i].gotModifiedCurveRe && Data[i].fit )
            numP = Data[i].ModifiedCurveRe.numP:
            for( i=0; i<numP; i++ )
            {
                x[m] = Data[i].ModifiedCurveRe.x[i]:
                v[m] = Data[i].ModifiedCurveRe.v[i]:
                m++:
         if( Data[i].gotModifiedCurveIm && Data[i].fit )
           numP = Data[i].ModifiedCurveIm.numP:
           for( j=0; j<numP; j++ )
           ł
                x[m] = Data[i].ModifiedCurveIm x[i]:
                y[m] = Data[i].ModifiedCurveIm.y[i];
                m++:
      *totalNumPPtr = m;
//end of switch
```

E. GetAllFits()

/*Sub-Rutina encargada de copiar los valores de los parámetros libres a un vector y por supuesto este arreglo es distinto en el caso de que se usen o no modelos y de acuerdo tambien al tipo de ajuste*/

```
void TFirm3::GetAllFits( float a[], int numV, float *chisqPtr, int typeSpace )
{
    if(!useModels)
    {
        CopyNewValuesToFreeParameters(a, typeSpace);
        CheckAllLimits();
        Ch
```

```
if( singularity )
    returm;
}
else
{
GetChiSqModels( a, typeSpace );
checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
'chisqPtr = GetFitAndChisqModels(typeSpace);
if( singularity )
returm;
}
}
```

F. ObtainBestParametersLevenberg()

/* Subrutina principal del metodo de Levenberg, con la cual se obtienen los mejores parámetros

de todos los archivos de datos a ajustar*/

```
void TFirm3::ObtainBestParametersLevenberg( float a[], int numV, int numFreeAreas, float ftol, int *iter, float *chisqPtr, int typeSpaceFitting )
```

Given a starting value for the free variables a[1..numV]. Levenberg fitting is performed on a //function (x,y). The convergence tolerance on the function value is input as ftol. Returned //quantities are a (the location of the minimum), iter (the number of iterations that were //performed), and chisqPtr.

```
#define EPS 1 0e-12
#define FREEALL free_vector(xp, 1, totalNumP);free_vector(yp, 1, totalNumP);free_vector(sig, 1, totalNumP);
#define FREEALL2 free_matrix(covar, 1, numV, 1, numV);free_matrix(alpha, 1, numV, 1, numV);
```

```
totalNumP-
int
double
         x(maximumNumPl, v(maximumNumPl;
float
         *xp. *vp. *sig. **covar. **alpha:
int
         i, j. its;
float
         oldChiSa:
         alamda = 0.001
float
         numberOfTimesBelowTolerance = 0:
int
         maximumNumberOfTimesBelowTolerance = 3;
int
bool
         stopResponse:
for( i=0; i<maximumNumP; i++ )
  x[i] = 0;
 y[i] = 0;
```

GetXExpChainandYExpChainandTotNumP(x, y, &totalNumP, typeSpaceFitting);

```
xp = vector(1,totalNumP);
yp = vector(1,totalNumP);
sig = vector(1,totalNumP);
covar = matrix(1, numV, 1, numV);
alpha = matrix(1, numV, 1, numV);
```

```
for( i=1: i<=numV: i++ )
  1
11
      ia[i] = 1:
     for( j=1; j<=numV; i++ )
       covar[i][i] = 1;
       alpha[i][i] = 1;
     }
  for( i=0; i<totalNumP; i++ )
     xp[i+1] = x[i];
     yp[i+1] = y[i];
    sig[i+1] = 1;
  3
  GetAllFits( a. numV, chisoPtr, typeSpaceFitting );
  if( singularity )
  1
         FREEALL
         FREEALL2
         return:
  oldChiSa = *chisaPtr;
// remember the "a" that provides the lowest chisa
  for( i=1: i<= numV: i++ )
        minP[i] = a[i];
  for (its=1;its<=maxNumIterations;its++)
    *iter=its:
    UpdateAllBetweenIterations( its, *chisqPtr, typeSpaceFitting );
    Application->ProcessMessages(); // Allows to react to the STOP instruction
     if( stop )
       stopResponse = Application->MessageBox("stop fitting?", "AAnalyzer --> Alert!", MB YESNO);
       if( stopResponse == IDYES )
       £
         FREEALL
         FREEALL2
         return:
       3
       else
         stop = false;
    mrqmin( xp, yp, sig, totalNumP, a, numV, numFreeAreas, covar, alpha,
                        chisqPtr, &alamda, typeSpaceFitting );
    if( singularity )
         FREEALL
         FREEALL2
         return:
```

```
GetAllFits( a, numV, chisoPtr, typeSpaceFitting );
  if( singularity )
       FREEALL
       FREEALL2
       return:
  if( *chisqPtr < oldChiSq )
     if( 2.0*fabs(*chisgPtr - oldChiSg) <= ftol*( *chisgPtr + oldChiSg + EPS ) )
       numberOfTimesBelowTolerance++
       if( numberOfTimesBelowTolerance == maximumNumberOfTimesBelowTolerance )
            break.
     3
     else
       numberOfTimesBelowTolerance = 0:
    for( i=1: i<= numV: i++ )
       minP[i] = a[i];
     oldChiSg = *chisgPtr;
     alamda *= 0 1
  else
  £
    for( i=1; i<= numV; i++ )
       a[i] = minP[i];
     GetAllFits( a, numV, chisqPtr, typeSpaceFitting );
       if( singularity )
            FREEALL
            FREEALL2
            return:
    alamda *= 10:
3
FREEALL
FREEALL2
#undef FREEALL
#undef FREEALL2
#undef EPS
```

G. mrqmin()

3

/*Esta sub-Rutina es el corazon principal del metodo de Levenberg la cual a través de una solución de un sistema de ecuaciones obtiene los valores de todas las variables en el ajuste.*/ void TFirm3::mrqmin(float x[], float y[], float sig[], int ndata, float a[],

```
int ma. int numFreeAreas, float ** covar, float ** alpha, float * chisq, float * alamda, int typeSpace )
#define FREEALL free matrix(oneda,1,mfit,1,1);free_vector(da,1,ma);free vector(beta,1,ma);free ivector(ia, 1, ma
#define FREEalmostALL free vector(da.l.ma):free vector(beta.l.ma):free ivector(ia 1 ma);
// free vector(atry.1.ma):
                j.k.l:
  int
  int
                mfit:
  float
                *da. **oneda:
  float
                *beta;
                *ia.
  int
  int
                i-
  da=vector(1.ma):
  beta=vector(1.ma);
  ia = ivector( 1, ma ):
  GetCalculationsAndIAs( a, ma, ndata, chisq, ia, typeSpace );
  if( singularity )
    FREEalmostALL.
    return:
  mrqcof(x,y,sig,ndata,a,ia,ma,numFreeAreas,alpha,beta,chisq,typeSpace);
  if( singularity )
    FREEalmostALL
    return:
  for (mfit=0,j=1;j<=ma;j++)
    if( ia[i] )
      mfit++;
  oneda=matrix(1.mfit,1.1);
  for (j=1;j<=mfit;j++) //Alter linearize fitting matrix, by augmenting diagonal elements
    for (k=1;k<=mfit;k++)
      covar[j][k]=alpha[j][k];
    covar[i][i]=alpha[i][i]*(1.0+(*alamda));
    oneda[j][1]=beta[j];
  3
  gaussj(covar,mfit,oneda,1); //Matrix solution.
  if( singularity )
    FREEALL.
    return;
  for(j=1;j<=mfit;j++)
    da[i]=oneda[i][1];
```

```
for (j=0,l=1;l<=ma;l++) //Did the trial succeed?

if (ia[1])

// atry[1]=a[1]+da[++j];

a[1]=a[1]+da[++j];
```

FREEALL

#undef FREEALL

#undef FREEalmostALL

}

H. GetCalculationsAndIAs()

Aquí se determina el grado de influencia que tiene cada una de las variables en el ajuste, asi como tambien a traves del gradiente se puede ver si el parámetro libre es un parámetro activo durante el ajuste.

```
void TFirm3::GetCalculationsAndIAs( float *a, int numV, int totalNumP,
```

float *chisqPtr, int *ia, int typeSpace)

```
int
        i. j:
        totalGrad, gradSq[maxNumFreeVar];
double
CalculateYCalChainAndGradientCalChain( a, numV, totalNumP, chisqPtr, typeSpace );
if( singularity )
  return:
for( totalGrad = 0, j=0; j<numV; j++)
  for( gradSqli] = 0, i=0; i<totalNumP; i++ )
    gradSq[i] += grad[i][j] * grad[i][j];
  totalGrad += gradSq[j];
for( j=0; j<numV; j++ )
  if( gradSolil < le-10*totalGrad )
     ia[j+1] = 0;
  else
     ia[i+1] = 1;
3
```

I. mrqcof()

Aquí se definen los elementos de los arreglos para el sistema de ecuaciones a resolver por el metodo de Gauss Jordan en la subrutina mrqmin.

```
void TFirm3::mrqcof(float x[], float y[], float sig[], int ndata, float a[], int ia[],
```

```
int ma, int numFreeAreas, float **alpha, float beta[], float *chisqPtr, int typeSpace )
```

```
//Used by mrgmin to evaluate the linearize fitting matrix alpha and vector beta as in (15.5.8),
//and calculate chisg.
#define FREEALL free vector(dyda,1.ma);
               i.i.k.l.m.mfit=0;
  int
                vmod.wt.sig2i.dv,*dvda;
  float
  dyda=vector(1,ma);
  for (i=1:i<=ma;i++)
     if (iafil)
       mfit++:
  for (j=1;j<=mfit;j++) //Initialize (symmetric)alpha beta
     for (k=1:k<=i:k++)
       alpha[j][k]=0.0;
     beta[i]=0.0;
  for (i=1;i<=ndata;i++) // Summation loop over all data.
     for (j=1;j<=ma;j++)
                              // instead of funcs
       dyda[j] = grad[i-1][j-1];
     ymod = yCal[i-1];
     sig2i=1.0/(sig[i]*sig[i]);
     dy=y[i]-ymod;
     for (j=0,l=1;l<=ma;l++)
        if (ia[]])
          wt=dvda[]]*sig2i;
          for (i++.k=0.m=1:m<=1:m++)
             if (ia[m])
               alpha[j][++k] += wt*dyda[m];
          beta[j] += dy*wt:
     3
   3
   for (j=2;j<=mfit;j++) //Fill in the symmetric side.
      for (k=1;k<j;k++) alpha[k][j]=alpha[j][k];
   FREEALL
   if( treatAreasSimilarly )
   {
      if( !allowForNegativeAreas )
        for( j=1; j<= numFreeAreas; j++ )
          if(a[i] < 0 \&\& ia[i] = 1)
```

```
ł
             a[i] = 0;
             ialil = 0.
             if(!useModels)
                CopyNewValuesToFreeParameters(a, typeSpace);
            else
                GetChiSqModels(a, typeSpace);
             mrgcof(x, y, sig ndata a ia ma numFreeAreas alpha beta chisoPtr. typeSpace);
             if( singularity )
11
                FREEALL
               return;
            ialil = 1:
            break:
          3
#undef FREEALL
```

J. CalculateYCalChainAndGradientCalChain()

K. CalculateYCalChainAndGradientCalChainAbs()

```
void TFirm3::CalculateYCalChainAndGradientCalChainAbs( float *a, int numV, int totalNumP,
float *chisqPtr, int typeSpace )
```

```
int i, j, k. numP;

int m = 0;

int stopResponse;

GetAllFits(a, numV, chisqPtr, spaceK);

if(singularity)

return;

if(useModels)

{

GradChiSqModels(a, numV, spaceK);

}
```

```
if( singularity )
      return:
  else
    GetAllGradientsKspace(a, numV, spaceK);
         if( singularity )
            return.
  for( i=0; i<maxFiles: i++ )
     if( Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] && Data[i].fit )
     $
       numP = Data[i].ModifiedCurveAbs[typeSpace].numP;
       for( j=0; j<numP; j++ )
         yCal[m] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].y[j];
         for(k=0; k<numV; k++ )
            grad[m][k] = Data[i].GradY[i][k];
         m++;
       3
    3
  if( m != totalNumP )
     stopResponse = Application->MessageBox("incompatible total number of points,\ncontinue fitting?",
"AAnalyzer --> Alert!", MB YESNO);
    if( stopResponse == IDNO )
       singularity = true;
       return:
  3
3
```

L. CalculateYCalChainAndGradientCalChainReAndIm()

/*En esta subrutina es donde se calcula el gradiente a través de pequeños incrementos de los

```
parámetros libres*/
```

```
void TFirm3::CalculateYCalChainAndGradientCalChainReAndIm( float *a, int numV, int totalNumP,
float *chisaPtr, int typeSpace )
```

```
int i, j, k, numP;

int m = 0;

int stopResponse;

GetAllFits(a, numV, chisqPtr, spaceR);

iff singularity )

return;

if (useModels)

{
GradChiSqModels(a, numV, spaceR);

iff singularity )
```

```
return.
  3
  else
     GetAllGradientsRspace(a, numV, spaceR);
     if( singularity )
    return:
  for( i=0; i<maxFiles; i++ )
    if( Datalil.gotModifiedCurveRe && Datalil.fit )
       numP = Data[i] ModifiedCurveRe numP:
       for( j=0; j<numP; j++ )
         vCal[m] = Data[i].FitCurveRe.v[i]:
         for(k=0; k<numV; k++)
            grad[m][k] = Data[i].GradY[i][k]:
         m++:
    3
    if( Datalil.gotModifiedCurveIm && Datalil.fit )
    ŧ
       numP = Datalil.ModifiedCurveIm.numP:
       for( j=0; j<numP; j++ )
         vCal[m] = Data[i].FitCurveIm.v[i];
         for(k=0; k<numV; k++)
            grad[m][k] = Data[i].GradY[ Data[i].ModifiedCurveRe.numP + i ][k];
         m++:
       3
    3
  if( m != totalNumP )
    stopResponse = Application->MessageBox("incompatible total number of points,\ncontinue fitting?",
"AAnalyzer --> Alert!", MB YESNO);
    if( stopResponse == IDNO )
       singularity = true:
       return:
    3
 1
```

M. :CopyNewValuesToFreeParameters()

/*Subrutina encargada de copiar los valores de los parametros libres a ellos mismos*/

```
void TFirm3::CopyNewValuesToFreeParameters( float a[], int typeSpace )
```

```
ł
```
```
i. k:
int
                                i = 0;
int
for( i=0; i<maxPeaks: i++ )
      if( peak[i].active )
      if( peak[i].areaVary.vary == free || peak[i].areaVary.vary == limited )
     for( k=0; k<maxFiles; k++ )
       if( Data[k], fit && Data[k].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
       ٤
          j++;
        Data[k].peak[i].area = a[i];
       3
for( i=0; i<maxPeaks; i++ )
      if( peak[i].active )
      if( peak[i].energyVary.vary == free || peak[i].energyVary.vary == limited )
    j++;
      peak[i].energy = a[j];
  3
for( i=0: i<maxPeaks; i++ )
      if( peak[i].active )
        if( peak[i].gaussVary.vary == free || peak[i].gaussVary.vary == limited )
    ş
       i++:
      peak[i].gauss = a[j];
    else if (model[i].peak[j].gaussVary.vary == correlated &&
            strcmp(model[i].peak[j].gaussVary.correlation, "correlationSigmaOfRatio") = 0 )
    ł
       j++;
      peak[i].factorSigma = a[j];
    }
for( i=0; i<maxPeaks; i++ )
      if( peak[i].active )
      if( peak[i].branchingRatioVary.vary == free ||
            peak[i].branchingRatioVary.vary == limited )
    i++:
      peak[i].branchingRatio = a[j];
if( S0Vary.vary == free || S0Vary.vary == limited )
  i++;
  So = a[i];
if( Exp )
if( exponentVary.vary == free || exponentVary.vary == limited )
  j++;
  exponent = a[j];
```

CheckAllLimits(); CheckAllCorrelations();

}

N. GetAllGradientsKspace()

```
void TFirm3::GetAllGradientsKspace( float all. int numV, int typeSpace )
  int
                                 i, j;
  int
                                 k m:
                                 freeVarCounter = 0:
  int
                                  v[maxFiles][maximumNumP];
  double
                                   v2[maxFiles][maximumNumP];
  double
                                 delta Area
  double
  double
                                 deltaEnergy;
                                 deltaGauss:
  double
                                 deltaBranchingRatio;
  double
                                 deltaExponent.deltafactorSigma;
  double
                      deltaS0.
  double
                                   // initialize GradY
  for( k=0; k<maxFiles; k++ )
     if( Data[k].fit && Data[k].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
        for( m=0; m < Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].numP; m++ )
          for( i=0; i < maxNumFreeVar; i++ )
            Data[k].GradY[m][i] = 0;
   CopyNewValuesToFreeParameters(a, typeSpace);
   CheckAllLimits():
   CheckAllCorrelations():
   GctFitAndChisq(typeSpace);
   if( singularity )
                         // make area different from zero
     return:
   for( k=0; k<maxFiles; k++ )
     if( Data[k], fit && Data[k].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
        for( m=0; m < Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].numP; m++ )
          v[k][m] = Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].y[m];
   for( i=0; i<maxPeaks: i++ )
         if( neak[i].active )
           if( peak[i].areaVary.vary == free || peak[i].areaVary.vary == limited )
           for( j=0; j<maxFiles; j++ )
             if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
             ŧ
                freeVarCounter++;
               deltaArea = max( fabs( Data[i].peak[i].area/50 ), fabs( Data[i].totalArea/200) );
                Datafil peakfil area += deltaArea;
                CheckAllLimits():
                CheckAllCorrelations():
                GetFitAndChisq(typeSpace);
                if( singularity )
                     return:
                for( k=0; k < Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].numP; k++ )
```

```
v2[i][k] = Data[i].FitCurveAbs[tvpeSpace].v[k]:
                  Data[i].GradY[k][freeVarCounter-1] = (y2[j][k] - y[j][k]) / deltaArea;
              Data[i].peak[i].area = a[freeVarCounter]; // a vote of confidence for the counting scheme
   for( i=0: i<maxPeaks; i++ )
         if( peak[i].active )
            if( neak[i].energyVary.vary = free || peak[i].energyVary.vary = limited )
          freeVarCounter++:
          deltaEnergy = 0.01;
          peak[i].energy += deltaEnergy;
          CheckAllLimits():
          CheckAllCorrelations():
          GetFitAndChisq(typeSpace);
          if( singularity )
                    return:
          for( i=0; i<maxFiles; i++ )
            iff Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
               for( k=0; k < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; k++ )
               ŧ
                 v2[i][k] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[k];
                 Data[j].GradY[k][freeVarCounter-1] = (y2[j][k] - y[j][k]) / deltaEnergy;
        peak[i].energy = a[freeVarCounter];
  for( i=0; i<maxPeaks; i++ )
     if( peak[i].active )
     1
           if( peak[i].gaussVary.vary == free ||
                    peak[i].gaussVary.vary == limited )
             freeVarCounter++;
             if ( peak[i].gauss==0.1)
              deltaGauss = -0.001:
          else
             deltaGauss = 0.001:
          peak[i].gauss += deltaGauss:
          CheckAllLimits();
          CheckAllCorrelations();
         GetFitAndChisg(typeSpace):
          if( singularity )
                  return:
          for( j=0; j<maxFiles; j++ )
            if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
               for( k=0; k < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; k++ )
                 y2[j][k] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].y[k];
                 Data[j].GradY[k][freeVarCounter-1] = (y2[j][k] - y[j][k]) / deltaGauss;
          peak[i].gauss = a[freeVarCounter]:
       }// end of if ( gauss)
//Para el caso en que Sigma2 esté correlacionada con R<sup>2</sup> de la forma SIGAM2 = wR<sup>2</sup>
       else if (peak[i].gaussVary.vary == correlated &&
              strcmp(peak[i].gaussVary.correlation,"correlationSigmaOfRatio") == 0 )
```

```
ł
        freeVarCounter++
        if ( peaklil factorSigma == 0 002 )
          deltafactorSigma = -0.0001:
       else
          deltafactorSigma = 0 0001:
       pcak[i] factorSigma += deltafactorSigma
       CheckAllLimits():
       CheckAllCorrelations();
       GetFitAndChisq(typeSpace):
       if( singularity )
              return:
       for( i=0: i<maxFiles: i++ )
          if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
            for( k=0; k < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; k++ )
               y2[j][k] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].y[k];
               Data[j].GradY[k][freeVarCounter-1] = ( y2[j][k] - y[j][k] ) / deltafactorSigma;
      peak[i] factorSigma = alfreeVarCounter]:
  3
for( i=0; i<maxPeaks; i++ )
      if( peak[i].active )
        if( peak[i].branchingRatioVary.vary == free || peak[i].branchingRatioVary.vary == limited )
       freeVarCounter++;
       deltaBranchingRatio = 0.005;
       peak[i].branchingRatio += deltaBranchingRatio;
       CheckAllLimits():
       CheckAllCorrelations():
      GetFitAndChiso(typeSpace):
       if( singularity )
              return;
       for( i=0; i<maxFiles; i++ )
          if( Datalil.fit && Datalil.gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
            for( k=0; k < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; k++ )
               v2[i][k] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[k]:
               Data[i].GradY[k][freeVarCounter-1] = (y2[i][k] - y[i][k]) / deltaBranchingRatio;
     peak[i].branchingRatio = affreeVarCounter];
  if( SoVary.vary == free || SoVary.vary == limited )
      freeVarCounter++:
      deltaS0 = 0.01:
      So -= deltaS0:
       CheckAllLimits():
       CheckAllCorrelations():
       GetFitAndChiso(typeSpace);
        if( singularity )
            return:
       for( j=0; j<maxFiles; j++ )
          if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
            for( k=0; k < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; k++ )
```

```
{
    y2[j][k] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].y[k];
    Data[j].GradY[k][freeVarCounter-1] = ( y2[j][k] - y[j][k] ) / deltaS0;
    }
    so = a[freeVarCounter];
    }
    CheckAllLinmits();
    CheckAllCorrelations();
}
```

O. GetAllGradientsRspace()

```
void TFirm3::GetAllGradientsRspace( float a[], int numV, int typeSpace )
{
  int
                                 i. i:
  int
                                 k. m:
  int
                                 freeVarCounter = 0:
  double
                                 vfmaxFileslfmaximumNumPl:
  double
                                 v2[maxFiles][maximumNumP]:
  double
                                 deltaArea:
  double
                                 deltaEnergy;
  double
                                 deltaGauss deltafactorSigma:
 double
                                 deltaBranchingRatio;
 double
                                deltaExponent;
 double
                                 deltaS0:
 for( k=0; k<maxFiles; k++ )
                                  // initialize GradY
    if( Data[k], fit && Data[k], gotModifiedCurveRe )
      for( m=0; m < Data[k].FitCurveRe.numP; m++ )
         for( i=0; i < maxNumFreeVar; i++ )
           Data[k].GradY[m][i] = 0;
      for( m=0; m < Data[k].FitCurveIm.numP; m++ )
        for( i=0: i < maxNumFreeVar: i++ )
           Data[k].GradY[Data[k].FitCurveRe.numP + m][i] = 0;
 CopyNewValuesToFreeParameters(a, typeSpace);
 CheckAllLimits():
 CheckAllCorrelations():
 GetFitAndChisq(typeSpace);
 if( singularity )
   return:
                       // make area different from zero
 for( k=0; k<maxFiles; k++ )
   if( Data[k].fit && Data[k].gotModifiedCurveRe )
      for( m=0; m < Data[k].FitCurveRe.numP; m++ )
        v[k][m] = Data[k].FitCurveRe.v[m]:
      for( m=0: m < Data[k].FitCurveIm.numP: m++ )
        y[k][Data[k].FitCurveRe.numP + m] = Data[k].FitCurveIm.y[m];
 for( i=0; i<maxPeaks; i++ )
       if( peak[i].active )
         if( peak[i].areaVary.vary == free || peak[i].areaVary.vary == limited )
```

```
for( i=0; i<maxFiles: i++ )
            if( Datalil fit & Datalil gotModifiedCurveRe )
            ş
               freeVarCounter++
               deltaArea = max( fabs( Data[i].peak[i].area/50 ), fabs( Data[i].totalArea/200) );
               Data[i].peak[i].area += deltaArea:
               Check AllCorrelations():
                     GetFitAndChiso(typeSpace);
               if( singularity )
                   return:
               for( k=0: k < Datalil FitCurveRe numP k++ )
                 v2[i][k] = Data[i].FitCurveRe.v[k];
                 Data[i].GradY[k][freeVarCounter-1] = (v2[i][k] - v[i][k])/deltaArea;
               for( k=0; k < Data[i].FitCurvelm.numP; k++ )
                 v2[i][Data[i].FitCurveRe.numP + k] = Data[i].FitCurveIm.v[k]:
                 Data[j].GradY[Data[j].FitCurveRe.numP + k][freeVarCounter-1] =
(y2[j][Data[j].FitCurveRe.numP + k] -
                   v[j][Data[j].FitCurveRe.numP + k] ) / deltaArea;
             Data[i] peak[i] area = alfreeVarCounter]: // a vote of confidence for the counting scheme
            3
  for( i=0: i<maxPeaks: i++ )
        if( peak[i].active )
          if( peak[i].energyVary.vary == free || peak[i].energyVary.vary == limited )
         freeVarCounter++:
         deltaEnergy = 0.01:
         peak[i].energy += deltaEnergy;
         CheckAllLimits():
         Check AllCorrelations():
         GetFitAndChisg(typeSpace);
           if( singularity )
           return:
         for( j=0; j<maxFiles; j++ )
            if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveRe )
              for( k=0; k < Data[j].FitCurveRe.numP; k++ )
              ٤
                 v2[i][k] = Data[i] FitCurveRe.v[k]:
                 Data[i].GradY[k][freeVarCounter-1] = (y2[j][k] - y[j][k]) / deltaEnergy;
              for( k=0; k < Data[i].FitCurveIm.numP; k++ )
                 v2[i][Data[i].FitCurveRe.numP + k] = Data[j].FitCurveIm.y[k];
                 Data[i].GradY[Data[i].FitCurveRe.numP + k][freeVarCounter-1] =
                 (v2[i][Data[i].FitCurveRe.numP + k] -
                  y[j][Data[j].FitCurveRe.numP + k] ) / deltaEnergy;
              3
           3
```

```
peak[i].energy = a[freeVarCounter];
for( i=0: i<maxPeaks; i++ )
      if( peak[i].active )
        if( peak[i].gaussVary.vary == free ||
                 peak[i].gaussVary.vary == limited )
       freeVarCounter++:
       if ( peak[i].gauss==0.1)
         deltaGauss = -0.001:
       else
         deltaGauss = 0.001;
       peak[i].gauss += deltaGauss:
       CheckAllLimits():
       CheckAllCorrelations():
       GetFitAndChisg(typeSpace);
       if( singularity )
         return:
       for( j=0; j<maxFiles; i++ )
         if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveRe )
            for( k=0; k < Data[j].FitCurveRe.numP; k++ )
              y2[j][k] = Data[j].FitCurveRe.y[k];
              Data[j].GradY[k][freeVarCounter-1] = ( y2[j][k] - y[j][k] ) / deltaGauss;
            for( k=0; k < Data[j].FitCurveIm.numP; k++ )
              y2[j][Data[j].FitCurveRe.numP + k] = Data[j].FitCurveIm.y[k];
              Data[j].GradY[Data[j].FitCurveRe.numP + k][freeVarCounter-1] =
              (y2[j][Data[j].FitCurveRe.numP + k] -
               y[j][Data[j].FitCurveRe.numP + k] ) / deltaGauss:
            3
     peak[i].gauss = a[freeVarCounter];
    else if (peak[i].gaussVary.vary == correlated &&
            strcmp(peak[i].gaussVary.correlation,"correlationSigmaOfRatio") == 0 )
       freeVarCounter++:
       if ( peak[i].factorSigma == 0.002 )
         deltafactorSigma = -0.0001;
       else
         deltafactorSigma = 0.0001;
       peak[i].factorSigma += deltafactorSigma;
       CheckAllLimits():
       CheckAllCorrelations();
       GetFitAndChisg(typeSpace);
       if( singularity )
         return:
       for( j=0; j<maxFiles; j++ )
         if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveRe )
            for( k=0; k < Data[j].FitCurveRe.numP; k++ )
```

```
v2[i][k] = Data[i] FitCurveRe v[k]:
               Data[i] GradY[k][freeVarCounter-1] = (v2[i][k] - v[i][k])/deltafactorSigma;
            for( k=0; k < Data[i].FitCurvelm.numP; k++ )
               v2[i][Data[i].FitCurveRe.numP + k] = Data[i].FitCurveIm.v[k];
               Datalil.GradYIDatalil FitCurveRe.numP + kllfreeVarCounter-11 =
               (v2lillDatalil.FitCurveRe.numP + kl -
                v[j][Data[j].FitCurveRe.numP + k] ) / deltafactorSigma;
         3
     peak[i].factorSigma = alfreeVarCounter];
for( i=0; i<maxPeaks: i++ )
     if( peak[i].active )
        if( peak[i] branchingRatioVary vary == free || peak[i] branchingRatioVary vary == limited )
       freeVarCounter++:
       deltaBranchingRatio = 0.005;
       peak[i].branchingRatio += deltaBranchingRatio;
       Check All imits():
       Check AllCorrelations():
      GetFitAndChisg(typeSpace):
       if( singularity )
          return;
       for( j=0; j<maxFiles; j++ )
          if( Data[i] fit && Data[i].gotModifiedCurveRe )
            for( k=0; k < Data[i].FitCurveRe.numP; k++ )
               v2[i][k] = Data[i] FitCurveRe.v[k];
               Data[j].GradY[k][freeVarCounter-1] = (y2[j][k] - y[j][k]) / deltaBranchingRatio;
            for( k=0; k < Data[i].FitCurveIm.numP; k++ )
               v2[i][Data[i].FitCurveRe.numP + k] = Data[i].FitCurveIm.v[k];
               Data[j].GradY[Data[j].FitCurveRe.numP + k][freeVarCounter-1] =
              (v2[j][Data]j].FitCurveRe.numP + k] -
               v[i][Data[i].FitCurveRe.numP + k] ) / deltaBranchingRatio:
            3
     peak[i].branchingRatio = a[freeVarCounter];
  if( SoVary, vary == free || SoVary, vary == limited )
      freeVarCounter++:
      if (So == 1.0)
         deltaS0 = -0.01
      else
         deltaS0 = 0.01
      So += deltaS0;
      CheckAllLimits():
      CheckAllCorrelations():
      GetFitAndChisq(typeSpace):
```

```
if( singularity )
            return:
       for( j=0; j<maxFiles; j++ )
          iff Data[i] fit && Data[i].gotModifiedCurveRe )
            for( k=0; k < Data[j].FitCurveRe.numP; k++ )
              v2[i][k] = Data[i].FitCurveRe.y[k];
              Data[j].GradY[k][freeVarCounter-1] = ( y2[i][k] - y[i][k] ) / deltaS0;
            for( k=0; k < Data[i].FitCurveIm.numP; k++ )
              y2[i][Data[j].FitCurveRe.numP + k] = Data[j].FitCurveIm.y[k];
               Data[j].GradY[Data[j].FitCurveRe.numP + k][freeVarCounter-1] =
              (y2[i][Data[i].FitCurveRe.numP + k] -
               v[i][Data[i].FitCurveRe.numP + k] ) / deltaS0;
            }
       So = a[freeVarCounter];
CheckAllLimits():
CheckAllCorrelations():
```

}

P. GetChiSqModels()

```
void TFirm3::GetChiSgModels( float pl], int typeSpace )
  int
                                  i.k:
  int
                                  i = 0:
 for (i=0; i<maxModels; i++)
   if( model[i].modelActive )
     if( model[i].fractionVary.vary == free || model[i].fractionVary.vary == limited )
     ł
       for( k=0: k<maxFiles: k++ )
         if( Data[k].fit && Data[k].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
         {
            i++;
          Data[k].fractionModel[i] = p[i];
for( k=0; k<maxModels; k++ )
  if( model[k].modelActive )
   for( i=0; i<maxPeaks; i++ )
        if( model[k].peak[i].active )
          if( model[k].peak[i].energyVary.vary == free || model[k].peak[i].energyVary.vary == limited )
         j++;
        model[k].peak[i].energy = p[j];
      3
```

```
if( model[k].peak[i].gaussVary.vary == free || model[k].peak[i].gaussVary.vary == limited )
     i++:
   model[k].peak[i].gauss = p[i];
  else if (model[k].peak[i].gaussVary.vary == correlated &&
          strcmp(model[k].peak[i].gaussVary.correlation."correlationSigmaOfRatio") == 0 )
     j++-
   model[k].peak[i].factorSigma = p[i];
     if( model[k].peak[i].branchingRatioVary.vary == free ||
          model[k].peak[i].branchingRatioVary.vary == limited )
     j++;
   model[k].peak[i].branchingRatio = p[i];
switch (k)
case model4AsV
     if( model[k].alphaAsVary.vary == free || model[k].alphaAsVary.vary == limited )
     ŝ
          i++:
              model[k].alphaAs = p[i];
     if( model[k].betaSiVary.vary == free || model[k].betaSiVary.vary == limited )
     £
          i++;
              model[k].betaSi = p[i];
     if( model[k].S0Vary vary == free || model[k].S0Vary vary == limited )
          j++;
        model[k].S0 = p[i];
     break:
case model3AsVSi:
     if( model[k].alphaAsVary.vary == free || model[k].alphaAsVary.vary == limited )
          i++;
             model[k].alphaAs = p[j];
     if( model[k].alphaSiVary.vary == free || model[k].alphaSiVary.vary == limited )
          i++:
             model[k].alphaSi = p[j];
     if( model[k].betaSiVary.vary == free || model[k].betaSiVary.vary == limited )
          i++;
             model[k].betaSi = p[i];
     if( model[k].S0Vary.vary == free || model[k].S0Vary.vary == limited )
```

```
i++:
           model[k].S0 = p[i]:
       break:
   case model2AsV2Si:
       iff model[k].alphaAsVary.vary == free || model[k].alphaAsVary.vary == limited )
            i++;
                model[k].alphaAs = p[i];
       if( model[k].alphaSiVary.vary == free || model[k].alphaSiVary.vary == limited )
            i++:
                model[k].alphaSi = p[i];
       if( model[k].betaSiVary.vary == free || model[k].betaSiVary.vary == limited )
            i++;
                model[k].betaSi = p[i];
       if( model[k].S0Vary.vary == free || model[k].S0Vary.vary == limited )
            j++;
           model[k].S0 = p[i];
       break:
  case modelAs4Si:
       if( model[k].alphaSiVary.vary == free || model[k].alphaSiVary.vary == limited )
            j++;
               model[k].alphaSi = p[i];
       if( model[k].betaSiVary.vary == free || model[k].betaSiVary.vary == limited )
            i++;
               model[k].betaSi = p[i]:
       if( model[k].S0Vary.vary == free || model[k].S0Vary.vary == limited )
           j++;
           model[k].S0 = p[i];
  } //end of switch
} //end of if()
```

Q. ChiSqModels()

3

```
float TFirm3::ChiSqModels( float p[], int typeSpace )
{
    float chisq=0, chisq2=0;
    GetChiSqModels( p, typeSpace );
```

```
checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
```

```
chisq2 = GetFitAndChisqModels(typeSpace);
if( singularity )
return chisq.
else
chisq = chisq2;
return chisa:
```

2

R. GradChiSqModels()

```
void TFirm3::GradChiSqModels( float p[], int numV, int typeSpace )
{
    switch (typeSpace)
    {
        case spaceK:
            GradChiSqModelsAbs( p, numV, typeSpace );
            break:
            case spaceK:
            GradChiSqModelsReAndIm( p. numV, typeSpace );
    }
}
```

S. GradChiSqModelsAbs()

| void TFirm3::GradC | hiSqModelsAbs(float p[], int numV, int typeSpace) |
|------------------------|---|
| { | |
| #define min(a, b) (((a | (a) < (b) ? (a) : (b) |
| #define max(a, b) (((| a) > (b)) ? (a) : (b)) |
| int | i,k, m, join; |
| int | j= 0; |
| int | freeVarCounter = 0; |
| double | v[maxFiles][maximumNumP]; |
| double | y2[maxFiles][maximumNumP]; |
| double | deltaEnergy; |
| double | deltaGauss.deltaFactorSigma; |
| double | deltaBranchingRatio; |
| double | deltaExponent; |
| double | deltaAlphaAs; |
| double | deltaAlphaSi; |
| double | deltaBetaSi; |
| double | deltaFRACTION: |
| double | deltaS0; |
| | |

```
for( k=0; k<maxFiles; k++ ) // initialize GradY
if( Data[k].fit && Data[k].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )</pre>
```

```
for( m=0: m < Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].numP; m++ )
        for( i=0: i < maxNumFreeVar; i++ )
          Data[k].GradY[m][i] = 0;
                                            //GetChiSoModels(a.typeSpace):
 GetChiSaModels( p. typeSpace);
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
 GetFitAndChisgModels(typeSpace);
 iff singularity )
        return:
 for( k=0; k<maxFiles; k++ )
   iff Data[k] fit && Data[k].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
     for( m=0: m < Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].numP: m++ )
        v[k][m] = Data[k].FitCurveAbs[typeSnace].v[m]:
for (i=0: i<maxModels; i++)
  if( model[i].modelActive )
   if( model[i].fractionVary.vary = free || model[i].fractionVary.vary == limited )
   1
        for( i=0: i<maxFiles: i++ )
          iff Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
            freeVarCounter++:
            if ( Data[i].fractionModel[i] <= 0.97 )
               deltaFRACTION = 0.01:
            else if (Data[i].fractionModel[i] > 0.97)
               deltaFRACTION = -0.01:
            Data[i].fractionModel[i] += deltaFRACTION:
            checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
            GetFitAndChisgModels(typeSpace):
            if( singularity )
                 return:
            for( k=0; k < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; k++ )
               v2[i][k] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[k]:
               Data[j].GradY[k][freeVarCounter-1] = (y2[j][k] - y[j][k]) / deltaFRACTION;
            model[i].fraction = Data[j].fractionModel[i];
           Data[i].fractionModel[i] = p[freeVarCounter]:// a vote of confidence for the counting scheme
for ( k=0; k<maxModels; k++ )
 if (model[k].modelActive )
  for( i=0: i<maxPeaks: i++ )
        if( model[k].peak[i].active )
          if( model[k].peak[i].energyVary.vary == free ||
         model[k].peak[i].energyVary.vary == limited )
        freeVarCounter++;
        if(model[k].peak[i].energy >= 0)
          deltaEnergy = -0.01:
        else if(model[k].peak[i].energy < 0 )
          deltaEnergy = 0.01;
        model[k].peak[i].energy += deltaEnergy;
        checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
        GetFitAndChisgModels(typeSpace):
```

```
if( singularity )
     return.
for( i=0; i<maxFiles; i++ )
   if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
     for( join=0; join < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
        v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[ioin];
        Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaEnergy;
model[k].peak[i].energy = p[freeVarCounter]:
if( model[k].peak[i].gaussVary.vary == free ||
  model[k].peak[i].gaussVary.vary == limited )
 freeVarCounter++:
 if (model[k] peak[i] gauss == 0.1)
   deltaGauss = -0.001:
 else
   deltaGauss = 0.001:
 modelfk1 neak[i] gauss += deltaGauss;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
 GetFitAndChisgModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
 for( i=0: i<maxFiles: i++ )
   if( Data[i] fit && Data[j].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
     for( join=0; join < Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
        v2[illioin] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[join];
        Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaGauss;
model[k].peak[i].gauss = p[freeVarCounter];
else if (model[k].peak[i].gaussVary.vary == correlated &&
     strcmp(model[k].peak[i].gaussVary.correlation, "correlationSigmaOfRatio") == 0 )
 freeVarCounter++:
  if (model[k].peak[i].factorSigma == 0.002)
    deltaFactorSigma = -0.0001;
  else
    deltaFactorSigma = 0.0001;
  model[k].peak[i].factorSigma += deltaFactorSigma;
  checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
  GetFitAndChisqModels(typeSpace);
  if( singularity )
      return:
  for( i=0: i<maxFiles: i++ )
   if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
      for( join=0; join < Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
        v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].y[join];
        Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaFactorSigma;
model[k].peak[i].factorSigma = p[freeVarCounter];
```

```
iff model[k].peak[i].branchingRatioVary.vary == free ||
            model[k].peak[i].branchingRatioVary.vary == limited )
          freeVarCounter++:
          deltaBranchingRatio = 0.01:
          model[k].peak[i].branchingRatio += deltaBranchingRatio;
          checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
          GetFitAndChisgModels(typeSpace);
          iff singularity)
              return'
         for( i=0: i<maxFiles: i++ )
            iff Data[i] fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
              for( join=0: join < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
              ٤
                v2[i][join] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].v[join]:
                Data[i].GradY[join][freeVarCounter-1] = (y2[j][join] - y[j][join])/
deltaBranchingRatio:
         model[k].peak[i].branchingRatio = p[freeVarCounter];
      }//end of if()
    switch (k)
    case model4AsV:
         if( model[k].alphaAsVary.vary == free ||
           model[k].alphaAsVary.vary = limited )
          freeVarCounter++:
          iff model[k].alphaAs = -0.10)
               deltaAlphaAs = 0.02:
          else if( model[k].alphaAs == 0.10 )
               deltaAlphaAs = -0.02;
          else
            deltaAlphaAs = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaAs) / 10 ));
          model[k].alphaAs += deltaAlphaAs;
          checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace):
          GetFitAndChisqModels(typeSpace);
          if( singularity )
              return:
         for( j=0; j<maxFiles; j++ )
           if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
              for( join=0; join < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
                y2[j][join] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].v[join];
                Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = (v2[j][join] - v[j][join] ) / deltaAlphaAs;
        model[k].alphaAs = p[freeVarCounter];
        if( model[k].betaSiVary.vary = free ||
           model[k].betaSiVary.vary == limited )
          freeVarCounter++:
          if( model[k].betaSi == -0.10 )
              deltaBetaSi = 0.02;
          else if( model[k].betaSi = 0.10 )
```

```
deltaBetaSi = -0.02
     clse
      deltaBetaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k1.betaSi) / 10 ));
     modellk1 betaSi += deltaBetaSi;
     checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
     GetFitAndChisgModels(typeSpace);
     if( singularity )
         return:
    for( i=0; i<maxFiles; i++ )
      if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
         for( join=0; join < Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
           v2[illioin] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].y[ioin];
           Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaBetaSi;
   model[k].betaSi = p[freeVarCounter]:
       if( model[k].S0Vary.vary == free ||
      model[k].SoVary.vary == limited )
     freeVarCounter++:
     if( model[k].S0 == 0.50 )
          deltaS0 = 0.02;
     else if( model[k].S0 == 1 )
          deltaS0 = -0.02;
     cise
          deltaS0 = 0.01:
      modelfk1 S0 += deltaS0;
      checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
      GetFitAndChisqModels(typeSpace);
      if( singularity )
          return:
     for( j=0; j<maxFiles; j++ )
       if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
         for( join=0; join < Data[il.FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
          ŧ
            v2[j][join] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].y[join];
            Data[i].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaS0;
    model[k].S0 = p[freeVarCounter];
     break:
case model3AsVSi:
     if( model[k].alphaAsVary.vary == free ||
       model[k].alphaAsVary.vary == limited )
      freeVarCounter++:
      if( model[k].alphaAs == -0.10 )
           deltaAlphaAs = 0.02;
      else if( model[k].alphaAs == 0.10 )
           deltaAlphaAs = -0.02;
      else
         deltaAlphaAs = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaAs) / 10 ));
      model[k].alphaAs += deltaAlphaAs;
      checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
       GetFitAndChisoModels(typeSpace);
```

```
if( singularity )
     return:
for( i=0: i<maxFiles: i++ )
   if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
     for( join=0: join < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
       y2[j][join] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].y[join];
       Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = (y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaAlphaAs;
model[k].alphaAs = p[freeVarCounter];
iff model[k].alphaSiVary.vary == free ||
  model[k].alphaSiVary.vary = limited )
 freeVarCounter++:
 if( model[k].alphaSi = -0.10 )
      deltaAlphaSi = 0.02:
 else iff model[k].alphaSi == 0.10)
      deltaAlphaSi = -0.02:
 else
   deltaAlphaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaSi) / 10 ));
 model[k].alphaSi += deltaAlphaSi;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
 GetFitAndChisgModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
for( i=0: i<maxFiles: i++ )
  if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
     for( join=0; join < Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
       v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[ioin];
       Data[i].GradY[ioin][freeVarCounter-1] = (v2[i][ioin] - v[i][ioin] )/deltaAlphaSi;
model[k].alphaSi = p[freeVarCounter]:
if( model[k].hetaSiVary.vary == free ||
  model[k].betaSiVary.vary == limited )
 freeVarCounter++:
 if( model[k].betaSi == -0.10 )
     deltaBetaSi = 0.02:
 else if( model[k].betaSi = 0.10 )
     deltaBetaSi = -0.02:
 else
 deltaBetaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k],betaSi) / 10 ));
 model[k].betaSi += deltaBetaSi:
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
 GetFitAndChisqModels(typeSpace);
 if( singularity )
    return;
for( j=0; j<maxFiles; j++ )
  if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
    for( join=0; join < Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
       y2[j][join] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].v[join];
       Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaBetaSi;
```

```
model[k].betaSi = p[freeVarCounter];
        if( model[k].S0Vary.vary == free ||
       model[k].S0Vary.vary == limited )
     freeVarCounter++;
     if( model[k].S0 == 0.50 )
           deltaS0 = 0.02:
     else if( model[k].S0 == 1 )
           deltaS0 = -0.02;
      else
           deltaS0 = 0.01:
      model[k] S0 += deltaS0:
      checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
      GetFitAndChisgModels(typeSpace);
      if( singularity )
          return:
     for( i=0; i<maxFiles; i++ )
       if( Data[j] fit && Data[j].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
          for( join=0; join < Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
          ٤
            v2[j][join] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].y[join];
            Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaS0;
    model[k].S0 = p[freeVarCounter];
     break:
case model2AsV2Si:
     if( model[k].alphaAsVary.vary == free ||
       model[k].alphaAsVary.vary == limited )
      freeVarCounter++:
      if( model[k].alphaAs == -0.10 )
           deltaAlnhaAs = 0.02:
      else if( model[k].alphaAs == 0.10 )
           deltaAlphaAs = -0.02;
      else
        deltaAlphaAs = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaAs) / 10 ));
      model[k].alphaAs += deltaAlphaAs;
      checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
      GetFitAndChisqModels(typeSpace);
      if( singularity )
          return:
     for( j=0; j<maxFiles: j++ )
        if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
          for( join=0; join < Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
             v2[i][join] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].y[join];
             Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaAlphaAs;
     model[k].alphaAs = p[freeVarCounter];
     if( model[k].alphaSiVary.vary == free ||
        model[k].alphaSiVary.vary == limited )
```

```
freeVarCounter++*
  if( model[k].alphaSi == -0.10 )
       deltaAlnhaSi = 0.02-
 else if( model[k].alphaSi == 0.10 )
       deltaAlphaSi = -0.02;
 else
 deltaAlphaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaSi) / 10 ));
 model[k].alphaSi += deltaAlphaSi;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
 GetFitAndChisgModels(typeSpace):
 iff singularity)
     return:
for( i=0: i<maxFiles: i++ )
   if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
     for( join=0; join < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
       v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[ioin];
       Data[i].GradY[ioin][freeVarCounter-1] = (v2[i][ioin] - v[i][ioin])/deltaAlphaSi;
model[k].alphaSi = p[freeVarCounter]:
if( model[k].betaSiVary.vary == free || model[k].betaSiVary.vary == limited )
 freeVarCounter++:
 if( model[k].betaSi == -0.10 )
      deltaBetaSi = 0.02:
 else if( model[k].betaSi = 0.10 )
      deltaBetaSi = -0.02:
 else
 deltaBetaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].betaSi) / 10 ));
 model[k].betaSi += deltaBetaSi;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
 GetFitAndChisgModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
for( i=0: i<maxFiles: i++ )
  if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
     for( join=0; join < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
       y2[j][join] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].y[join];
       Data[i].GradY[join][freeVarCounter-1] = (y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaBetaSi;
model[k].betaSi = p[freeVarCounter];
   if( model[k].S0Vary.vary == free ||
  model[k].S0Vary.vary == limited )
 freeVarCounter++;
 if(model[k], S0 == 0.50)
     deltaS0 = 0.02;
else if( model[k].S0 == 1 )
     deltaS0 = -0.02:
else
     deltaS0 = 0.01:
model[k].S0 += deltaS0;
checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
```

```
GetFitAndChisaModels(typeSpace);
       if( singularity )
          return:
     for( j=0: i<maxFiles; j++ )
        if( Datalil fit & & Datalil gotModifiedCurveAbsltypeSpacel )
          for( join=0; join < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
            y2[j][join] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[join];
            Data[i].GradY[ioin][freeVarCounter-1] = (v2[i][ioin] - v[i][ioin] ) / deltaS0;
     model[k].S0 = p[freeVarCounter]:
     break.
case model As4Si
     if( model[k].alphaSiVary.vary == free || model[k].alphaSiVary.vary == limited )
      freeVarCounter++
      if( model[k] alphaSi == -0.10.)
           deltaAlphaSi = 0.02;
      else if( model[k].alphaSi == 0.10 )
           deltaAlphaSi = -0.02:
      else
      deltaAlphaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaSi) / 10 ));
      model[k] alphaSi += deltaAlphaSi:
      checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
      GetFitAndChisgModels(typeSpace);
      if( singularity )
          return.
     for( i=0: i<maxFiles: i++ )
       if( Datalil fit && Datalil gotModifiedCurveAbs(typeSnacel )
          for( join=0; join < Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
            v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[ioin]:
            Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaAlphaSi;
    model[k].alphaSi = p[freeVarCounter];
     if( model[k].betaSiVary.vary == free || model[k].betaSiVary.vary == limited )
      freeVarCounter++:
      if( model[k] betaSi == -0 10 )
           deltaBetaSi = 0.02;
     else if( model[k].betaSi == 0.10 )
          deltaBetaSi = -0.02;
     else
     deltaBetaSi = min(0.005 max(0.001 fabs( model[k] betaSi) / 10.));
      model[k].betaSi += deltaBetaSi;
     checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
     GetFitAndChisqModels(typeSpace);
     if( singularity )
         return
    for( j=0; j<maxFiles; j++ )
       if( Data|i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
          for( join=0; join < Data[il.FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
            y2[j][join] = Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].v[join];
```

```
Data[i].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaBetaSi;
          model[k].betaSi = p[freeVarCounter]:
             if( model[k].S0Vary.vary = free ||
            model[k].SOVary.vary == limited )
           freeVarCounter++:
           if( model[k].S0 == 0.50 )
                delta$0 = 0.02.
           else if( model[k].S0 == 1 )
                deltaS0 = -0.02:
           else
              deltaS0 = 0.01:
           model[k].S0 -= deltaS0:
           checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
           GetFitAndChisgModels(typeSpace);
           if( singularity )
              return:
         for( i=0: i<maxFiles: i++ )
            iff Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveAbs[typeSpace] )
              for( join=0; join < Data[j].FitCurveAbs[typeSpace].numP; join++ )
                 v2[i][join] = Data[i].FitCurveAbs[typeSpace].v[join];
                 Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = (v2[j][join] - v[j][join])/deltaS0;
         model[k].S0 = p[freeVarCounter];
         3
     }// end of switch (k)
   }//end of if (model[k].modelActive )
   checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
// CheckAllLimits();
// CheckAllCorrelations():
#undef min
#undef max
```

```
}
```

T. GradChiSqModelsReAndIm()

```
void TFirm3::GradChiSqModelsReAndIm( float p[], int numV, int typeSpace )
#define min(a, b) (((a) < (b))?(a):(b))
#define max(a, b) (((a) > (b))?(a):(b))
  int
                                 i.k. m. ioin:
  int
                                i= 0:
  int
                                freeVarCounter = 0:
  double
                                y[maxFiles][maximumNumP];
  double
                                v2[maxFiles][maximumNumP];
  double
                               deltaEnergy:
  double
                               deltaGauss.deltaFactorSigma:
  double
                               deltaBranchingRatio;
  double
                               deltaExponent:
```

```
double
                               deltaAlphaAs;
 double
                               deltaAlphaSi:
 double
                               deltaBetaSi:
 double
                               deltaFRACTION:
 double
                               deltaS0:
 int
                               numP1 numP2
 for( k=0; k<maxFiles; k++ )
                                 // initialize GradY
    if( Data[k].fit && Data[k].gotModifiedCurveRe && Data[k].gotModifiedCurveIm)
      numP1 = Datalk1.FitCurveRe.numP:
      numP2 = Data[k].FitCurvelm numP
      for( m=0; m <numP1 + numP2; m++ )
        for( i=0: i < maxNumFreeVar i++ )
           Data[k] GradY[m][i] = 0.
 GetChiSaModels( n typeSpace);
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
 GetFitAndChisgModels(typeSpace);
 if( singularity )
        return:
 for( k=0: k<maxFiles: k++ )
   if( Data[k].fit && Data[k].gotModifiedCurveRe && Data[k].gotModifiedCurveIm)
      numP1 = Data[k].FitCurveRe.numP:
      numP2 = Data[k].FitCurvelm.numP:
     for( m=0; m <numP1; m++ )
        v[k][m] = Data[k] FitCurveRe v[m]:
     for( m=0; m <numP2; m++ )
        v[k][numP1+m] = Data[k].FitCurvelm.v[m];
for (i=0; i<maxModels; i++)
  if( model[i].modelActive )
    if( model[i].fractionVary.vary == free || model[i].fractionVary.vary == limited )
        for( j=0; j<maxFiles; j++ )
          if( Data[i] fit && Data[i] gotModifiedCurveRe && Data[i] gotModifiedCurveIm )
          ŧ
             freeVarCounter++:
             if ( Data[i].fractionModel[i] <= 0.97 )
                deltaFRACTION = 0.02;
            else if (Datalil.fractionModel[i] > 0.97)
                deltaFRACTION = -0.02:
             Data[i] fractionModel[i] += deltaFRACTION:
            checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
            GetFitAndChisgModels(typeSpace);
            if( singularity )
                  return:
            numP1 = Data[j].FitCurveRe.numP;
            for( k=0; k < numP1; k++ )
               v2[i][k] = Data[i].FitCurveRe.v[k]:
               Data[j].GradY[k][freeVarCounter-1] = ( y2[j][k] - y[j][k] ) / deltaFRACTION;
             numP2 = Data[j].FitCurvelm.numP;
             for( k=0; k < numP2; k++ )
```

```
v2filfnumP1+k] = Datafil.FitCurveIm.v[k];
              Data[i].GradY[numP1+k][freeVarCounter-1] = (v2[i][numP1+k] - v[i][numP1+k])/
                                                                                deltaFRACTION:
           model[i] fraction = Data[i] fractionModel[i];
          Data[i] fractionModel[i] = p[freeVarCounter]: // a vote of confidence for the counting scheme
         3
for ( k=0: k<maxModels: k++ )
 if (model[k].modelActive )
 for( i=0; i<maxPeaks: i++ )
       if( model[k].peak[i].active )
          if( model[k].peak[i].energyVary.vary == free ||
        model[k].peak[i].energyVary.vary == limited )
        freeVarCounter++:
        if(model[k].peak[i].energy >= 0)
          deltaEnergy = -0.01;
        else if(model[k].peak[i].energy < 0 )
          deltaEnergy = 0.01;
        model[k].peak[i].energy += deltaEnergy;
        checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
       GetFitAndChisgModels(typeSpace);
        iff singularity)
           return:
        for( i=0: i<maxFiles: i++ )
         if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
           numP1 = Data[j].FitCurveRe.numP;
            for( join=0; join < numP1; join++ )
              v2fillioin] = Datafil.FitCurveRe.v[ioin]:
              Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = (y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaEnergy;
           numP2 = Data[j].FitCurveIm.numP;
            for( join=0; join < numP2; join++ )
              v2[i][numP1+ioin] = Data[i].FitCurvelm.v[ioin]:
              Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (y2[j][numP1+join] -
                                                              y[j][numP1+join]) / deltaEnergy;
       model[k].peak[i].energy = p[freeVarCounter];
          if( model[k].peak[i].gaussVary.vary == free ||
         model[k].peak[i].gaussVary.vary == limited )
        freeVarCounter++:
        if (model[k].peak[i].gauss == 0.1)
         deltaGauss = -0.001:
       else
```

```
deltaGauss = 0 001:
 model[k].peak[i].gauss += deltaGauss;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
 GetFitAndChisgModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
 for( j=0; j<maxFiles; j++ )
   if( Datalil fit && Datalil gotModifiedCurveRe && Datalil gotModifiedCurveIm )
     numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP;
     for( join=0; join < numP1; join++ )
       v2[i][ioin] = Data[i] FitCurveRe v[ioin]:
        Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( v2[j][join] - v[j][join] ) / deltaGauss;
     numP2 = Data[i].FitCurvelm.numP:
     for( join=0; join < numP2; join++ )
        v2[i][numP1+join] = Data[i].FitCurvelm.v[join];
        Data[i].GradYInumP1+join][freeVarCounter-1] = (v2[i][numP1+join] -
                                                           vfillnumP1+ioin1)/deltaGauss;
   3
model[k].peak[i].gauss = p[freeVarCounter];
clsc if (model/k].peak[i].gaussVary.vary == correlated &&
     strcmp(model[k].peak[i].gaussVary.correlation, "correlationSigmaOfRatio") == 0 )
 freeVarCounter++;
 if (model[k].peak[i].factorSigma == 0.002)
   deltaFactorSigma = -0.0001;
 else
   deltaFactorSigma = 0.0001:
 model[k].peak[i].factorSigma += deltaFactorSigma;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace):
GetFitAndChisgModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
 for( i=0: i<maxFiles: i++ )
   if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
     numP1 = Datalil.FitCurveRe.numP;
     for( join=0; join < numP1; join++ )
       y2[j][join] = Data[j].FitCurveRe.y[join];
       Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaFactorSigma;
     numP2 = Data[j].FitCurvelm.numP;
     for( join=0; join < numP2; join++ )
       v2[i][numP1+ioin] = Data[i].FitCurveIm.v[join];
       Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (y2[j][numP1+join] -
                                                       v[i][numP1+join] ) / deltaFactorSigma;
     3
 model[k].peak[i].factorSigma = p[freeVarCounter];
```

```
if( model[k].peak[i].branchingRatioVary.vary == free ||
       model[k].peak[i].branchingRatioVary.vary == limited )
      freeVarCounter++:
      deltaBranchingRatio = 0.01;
      model[k].peak[i].branchingRatio += deltaBranchingRatio;
      checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
     GetFitAndChisoModels(typeSpace);
      if( singularity )
          return:
     for( i=0; i<maxFiles; i++ )
       iff Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
          numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP;
          for( join=0; join < numP1; join++ )
            v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveRe.v[ioin];
            Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = (y2[j][join] - y[j][join])/
                                                       deltaBranchingRatio;
         numP2 = Data[j].FitCurveIm.numP;
          for( join=0; join < numP2; join++ )
            v2[i][numP1+join] = Data[j].FitCurvelm.y[join];
            Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (y2[j][numP1+join] -
                                                   v[i][numP1+join] ) / deltaBranchingRatio;
         }
       3
     model[k].peak[i].branchingRatio = p[freeVarCounter];
switch (k)
case model4AsV:
     iff model[k].alphaAsVary.vary == free ||
       model[k].alphaAsVary.vary == limited )
      freeVarCounter++:
      if( model[k].alphaAs == -0.10 )
          deltaAlphaAs = 0.02;
      else if( model[k].alphaAs == 0.10 )
          deltaAlphaAs = -0.02:
      else
       deltaAlphaAs = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaAs) / 10 ));
      model[k].alphaAs += deltaAlphaAs;
      checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
     GetFitAndChisaModels(typeSpace);
      if( singularity )
         return:
     for( j=0; j<maxFiles; j++ )
       if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
         numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP:
         for( ioin=0; ioin < numP1; ioin++ )
         ŧ
```

```
v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveRe.y[join];
       Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaAlphaAs;
     3
     numP2 = Datalil.FitCurvelm.numP;
     for( join=0; join < numP2; join++ )
        v2lillnumP1+ioin] = Datalil.FitCurvelm.vlioin];
        Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (v2[j][numP1+join] -
                                                          v[i][numP1+join] ) / deltaAlphaAs;
     3
   3
model[k].alphaAs = plfreeVarCounter];
if( model[k] betaSiVary vary == free ||
   model[k] betaSiVary vary == limited )
 freeVarCounter++
 if( model[k].betaSi == -0.10 )
      deltaBetaSi = 0.02
 else if( model[k].betaSi == 0.10 )
      deltaBetaSi = -0.02;
 else
     deltaBetaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].betaSi) / 10 ));
 model[k].betaSi += deltaBetaSi:
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
 GetFitAndChisaModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
for( j=0; j<maxFiles; j++ )
   if( Data[i].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[i].gotModifiedCurveIm )
     numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP;
     for( join=0; join < numP1; join++ )
        v2[i][join] = Data[j].FitCurveRe.y[join];
        Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[i][join] - y[j][join] ) / deltaBetaSi;
      numP2 = Datalil.FitCurvelm.numP;
      for( join=0; join < numP2; join++ )
        v2[i][numP1+join] = Data[j].FitCurveIm.y[join];
        Data[i].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (y2[j][numP1+join] -
                                                               v[j][numP1+join] ) / deltaBetaSi;
     3
model[k].betaSi = p[freeVarCounter];
    if( model[k].S0Vary.vary == free ||
   model[k].S0Vary.vary == limited )
  freeVarCounter++:
  if( model[k].S0 == 0.50 )
       deltaS0 = 0.02:
  else if( model[k].S0 == 1 )
       deltaS0 = -0.02:
```

```
else
          deltaS0 = 0.01;
      model[k1.S0 += deltaS0;
      checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
     GetFitAndChisgModels(typeSpace);
      if( singularity )
         return:
     for( i=0: i<maxFiles: i++ )
       if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
       ٤
         numP1 = Data[j].FitCurveRe.numP;
         for( join=0; join < numP1; join++ )
            v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveRe.y[ioin];
            Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaS0;
         numP2 = Data[i].FitCurveIm.numP:
         for( join=0; join < numP2; join++ )
            y2[j][numP1+join] = Data[j].FitCurveIm.y[join];
            Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][numP1+join] -
                                                              y[i][numP1+join] ) / deltaS0;
         3
    model[k].S0 = p[freeVarCounter];
    break:
case model3AsVSi:
    if( model[k].alphaAsVary.vary = free ||
       model[k].alphaAsVary.vary == limited )
     freeVarCounter++;
     if( model[k].alphaAs == -0.10 )
          deltaAlphaAs = 0.02:
     else if( model[k].alphaAs = 0.10 )
          deltaAlphaAs = -0.02:
     else
     deltaAlphaAs = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaAs) / 10 ));
     model[k].alphaAs += deltaAlphaAs;
     checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
     GetFitAndChisqModels(typeSpace);
     if( singularity )
         return:
    for( j=0; j<maxFiles; j++ )
       if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
       {
         numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP:
         for( join=0; join < numP1; join++ )
         £
           y2[j][join] = Data[j].FitCurveRe.y[join];
           Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaAlphaAs;
         numP2 = Data[i].FitCurvelm.numP:
         for( join=0; join < numP2; join++ )
           y2[j][numP1+join] = Data[j].FitCurveIm.y[join];
```

```
Data[i].GradY[numP]+ioin][freeVarCounter-1] = (v2[i][numP]+ioin] -
                                                           v[i][numP1+join])/deltaAlphaAs:
     1
   3
model[k].alphaAs = plfreeVarCounter]:
if( model[k].alphaSiVary.vary == free ||
   model[k].alphaSiVary.vary == limited )
 freeVarCounter++
 if( model[k] alphaSi == -0.10.)
      deltaAlphaSi = 0.02:
 else if( model[k].alphaSi == 0.10 )
      deltaAlphaSi = -0.02:
 else
 deltaAlphaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaSi) / 10 ));
 model[k] alnhaSi += deltaAlnhaSi:
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
GetFitAndChisgModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
for( i=0; i<maxFiles; i++ )
   if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
   ŧ
     numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP;
     for( join=0; join < numP1; join++ )
        v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveRe v[ioin]:
        Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaAlphaSi;
     numP2 = Data[i].FitCurveIm.numP;
     for( join=0; join < numP2; join++ )
     ł
        y2[j][numP1+join] = Data[j].FitCurveIm.y[join];
        Data[i].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (y2[j][numP1+join] -
                                                           v[i][numP1+join] ) / deltaAlphaSi;
model[k].alphaSi = p[freeVarCounter]:
if( model[k].betaSiVary.vary == free ||
  modellkl.betaSiVary.vary == limited )
 freeVarCounter++:
 if( model[k].betaSi == -0.10 )
      deltaBetaSi = 0.02
 else if( model[k].betaSi == 0.10 )
      deltaBetaSi = -0.02:
 else
   deltaBetaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].betaSi) / 10 ));
 model[k].betaSi += deltaBetaSi:
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
GetFitAndChisqModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
for( j=0; j<maxFiles; j++ )
```

```
iff Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
      1
         numP1 = Data[i] FitCurveRe.numP:
         for( join=0; join < numP1; join++ )
           v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveRe.v[ioin]:
            Data[i].GradY[ioin][freeVarCounter-1] = (y2[j][join] - y[j][join]) / deltaBetaSi;
         numP2 = Data[i].FitCurvelm.numP;
         for( join=0; join < numP2; join++ )
            v2[i][numP1+join] = Data[j].FitCurveIm.y[join];
            Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (y2[j][numP1+join] -
                                                               v[i][numP1+join] ) / deltaBetaSi;
         3
      3
    model[k].betaSi = p[freeVarCounter];
        iff model[k].S0Vary.vary = free ||
      model[k].S0Vary.vary == limited )
     freeVarCounter++;
     if( model[k].S0 = 0.50 )
          deltaS0 = 0.02:
     else if( model[k].S0 = 1 )
          deltaS0 = -0.02:
     else
          deltaS0 = 0.01:
     model[k].S0 += deltaS0;
     checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
     GetFitAndChisgModels(typeSpace);
      if( singularity )
         return:
     for( i=0: i<maxFiles: i++ )
       if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
         numP1 = Data[j].FitCurveRe.numP;
         for( join=0; join < numP1; join++ )
            y2[j][join] = Data[j].FitCurveRe.y[join];
            Data[i].GradY[ioin][freeVarCounter-1] = (v2[i][ioin] - v[i][ioin])/deltaS0;
         numP2 = Data[j].FitCurvelm.numP;
         for( join=0; join < numP2; join++ )
         {
            y2[j][numP1+join] = Data[j].FitCurveIm.y[join];
            Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (y2[j][numP1+join] -
                                                                 v[i][numP1+join] ) / deltaS0;
         }
     model[k].S0 = p[freeVarCounter];
     break:
case model2AsV2Si:
     if( model[k].alphaAsVary.vary == free ||
       model[k].alphaAsVary.vary == limited )
```

```
freeVarCounter++
 if( model[k] alphaAs == -0 10 )
      deltaAlphaAs = 0.02;
 else if( model[k],alphaAs == 0.10 )
      deltaAlphaAs = -0.02;
 clse
   deltaAlphaAs = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaAs) / 10 ));
 model[k].alphaAs += deltaAlphaAs;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
GetFitAndChisoModels(typeSpace):
 if( singularity )
     return:
for( j=0; j<maxFiles: i++ )
   if( Data[i].fit && Data[i].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
     numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP;
     for( join=0; join < numP1; join++ )
        v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveRe.v[ioin];
        Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = (y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaAlphaAs;
     numP2 = Datalil.FitCurveIm.numP;
     for( join=0; join < numP2; join++ )
        v2[i][numP1+join] = Data[i].FitCurvelm.v[join];
        Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (y2[j][numP1+join] -
                                                          v[i][numP1+join] ) / deltaAlphaAs;
   3
model[k].alphaAs = p[freeVarCounter];
if( model[k] alphaSiVary vary == free ||
   model[k].alphaSiVary.vary == limited )
 freeVarCounter++:
 if( model[k].alphaSi == -0.10 )
      deltaAlphaSi = 0.02;
 else if( model[k].alphaSi == 0.10 )
      deltaAlphaSi = -0.02;
 else
 deltaAlphaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaSi) / 10 ));
 model[k].alphaSi += deltaAlphaSi;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
GetFitAndChisgModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return.
for( j=0; j<maxFiles; j++ )
   if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
     numP1 = Data[j].FitCurveRc.numP;
     for( join=0; join < numP1; join++ )</pre>
        y2[j][join] = Data[j].FitCurveRe.y[join];
        Data[j].GradY[join]|freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaAlphaSi;
```

```
numP2 = Data[i].FitCurvelm.numP;
     for( join=0; join < numP2; join++ )
     ٤
       v2[i][numP1+ioin] = Data[i].FitCurveIm.v[ioin];
       Data[i].GradY[numP1+ioin][freeVarCounter-1] = (v2[i][numP1+ioin] -
                                                         v[i][numP1+ioin])/deltaAlphaSi:
model[k].alphaSi = p[freeVarCounter];
if( model[k].betaSiVary.vary == free || model[k].betaSiVary.vary == limited )
 freeVarCounter++:
 iff model[k].betaSi = -0.10)
      deltaBetaSi = 0.02:
 else if( model[k].betaSi == 0.10 )
      deltaBetaSi = -0.02:
 else
   deltaBetaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].betaSi) / 10 ));
 model[k].betaSi += deltaBetaSi;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
GetFitAndChisqModels(typeSpace);
 iff singularity)
    return:
for( j=0; j<maxFiles; j++ )
  if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
     numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP;
     for( ioin=0; ioin < numP1; ioin++ )
      y2[j][join] = Data[j].FitCurveRe.y[join];
       Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = (y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaBetaSi;
    numP2 = Data[j].FitCurveIm.numP;
     for( join=0; join < numP2; join++ )
      v2[i][numP1+ioin] = Data[i].FitCurvelm.v[ioin]:
       Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][numP1+join] -
                                                         y[j][numP1+join])/deltaBetaSi;
    }
  3
model[k].betaSi = p[freeVarCounter];
   iff model[k].S0Vary.vary == free ||
  model[k].S0Vary.vary == limited )
 freeVarCounter++;
 if( model[k].S0 == 0.50 )
     deltaS0 = 0.02:
 else if( model[k].S0 == 1 )
     deltaS0 = -0.02;
else
     deltaS0 = 0.01;
model[k].S0 += deltaS0;
checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
GetFitAndChisqModels(typeSpace);
```

```
if( singularity )
          return:
     for( j=0; j<maxFiles; j++ )
        if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
          numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP;
          for( join=0; join < numP1; join++ )
            v2[i][ioin] = Data[i].FitCurveRe v[ioin]:
            Data[i].GradYlioinllfreeVarCounter-1] = (v2[i][ioin] - v[i][ioin]) / deltaS0;
          numP2 = Data[i] FitCurveIm numP
          for( join=0; join < numP2; join++ )
            y2[j][numP1+join] = Data[j].FitCurveIm.y[join];
            Data[i].GradYInumP1+ioin][freeVarCounter-1] = (v2lil[numP1+ioin] -
                                                                v[i][numP1+ioin])/deltaS0;
          3
    model[k].S0 = p[freeVarCounter]:
     break:
case modelAs4Si:
     if( model[k].alphaSiVary.vary == free || model[k].alphaSiVary.vary == limited )
      freeVarCounter++:
      if( model[k] alphaSi == -0 10 )
           deltaAlphaSi = 0.02;
      else if( model[k].alphaSi == 0,10 )
           deltaAlphaSi = -0.02;
      else
      deltaAlphaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k].alphaSi) / 10 ));
      model[k] alphaSi += deltaAlphaSi:
      checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
     GetFitAndChisgModels(typeSpace);
      if( singularity )
         return:
    for( j=0; j<maxFiles; j++ )
       if( Data[j] fit && Data[j] gotModifiedCurveRe && Data[j] gotModifiedCurveIm )
         numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP;
         for( join=0; join < numP1; join++ )
            v2[i][join] = Data[i].FitCurveRe.v[join];
            Data[i].GradY[ioin][freeVarCounter-1] = (v2[i][join] - v[i][join] ) / deltaAlphaSi;
         numP2 = Data[j].FitCurveIm.numP;
         for( join=0; join < numP2; join++ )
            v2[i][numP1+ioin] = Data[i].FitCurvelm.vlioin];
            Datalil.GradYInumP1+ioinllfreeVarCounter-11 = (v2lillnumP1+ioin] -
                                                               vlillnumP1+ioin1)/deltaAlphaSi:
         1
       3
    model[k].alphaSi = p[freeVarCounter];
```

```
iff model[k] betaSiVary.vary == free || model[k].betaSiVary.vary == limited )
 freeVarCounter++:
 if( model[k].betaSi = -0.10 )
      deltaBetaSi = 0.02:
 else if( model[k].betaSi == 0.10 )
     deltaBetaSi = -0.02.
 else
    deltaBetaSi = min(0.005, max(0.001, fabs( model[k1.betaSi) / 10 ));
 model[k].betaSi += deltaBetaSi;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
GetFitAndChisqModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
for( j=0; j<maxFiles; j++ )
  if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
     numP1 = Data[i].FitCurveRe.numP;
     for( join=0; join < numP1; join++ )
       v2[i][join] = Data[j].FitCurveRe.v[join];
       Data[i].GradY[join][freeVarCounter-1] = (y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaBetaSi;
     3
     numP2 = Data[i].FitCurveIm.numP;
     for( join=0; join < numP2; join++ )
       y2[j][numP1+join] = Data[j].FitCurveIm.y[join];
       Data[j].GradY[numP1+join][freeVarCounter-1] = (y2[j][numP1+join] -
                                                          v[i][numP1+join] ) / deltaBetaSi;
    3
model[k].betaSi = p[freeVarCounter];
   if( model[k].S0Vary.vary == free ||
  model[k].S0Vary.vary == limited )
 freeVarCounter++;
 if( model[k].S0 == 0.50 )
      deltaS0 = 0.02;
 else if( model[k].S0 == 1 )
      deltaS0 = -0.02;
 else
     deltaS0 = 0.01:
 model[k].S0 += deltaS0;
 checkAllModelsLimitsAndCorrelations(typeSpace);
GetFitAndChisqModels(typeSpace);
 if( singularity )
     return:
for( i=0: i<maxFiles: i++ )
   if( Data[j].fit && Data[j].gotModifiedCurveRe && Data[j].gotModifiedCurveIm )
     numP1 = Data[j].FitCurveRe.numP;
     for( join=0; join < numP1; join++ )
       y2[j][join] = Data[j].FitCurveRe.y[join];
       Data[j].GradY[join][freeVarCounter-1] = ( y2[j][join] - y[j][join] ) / deltaS0;
```

}

U. GetFitAndChisqModels()

```
float TFirm3::GetFitAndChisqModels(int typeSpace)
                         i.i:
  int
                 chisa
  float
  float
                totalChisq = 0;
                 label[255];
  char
                 noModelIsActive = true;
  bool
  garCount++:
  for( i=0; i<maxModels; i++ )
        if( model[i] modelActive )
                 noModellsActive = false;
          feffGroupBox[i]->Visible = true;
          DisabledToolBar();
     3
   if( noModelIsActive )
     EnableToolBar():
     return 0.
   for ( j=0; j<maxFiles; j++)
     if ( Data[i].fit )
                                            //cambios 15/junio/2002, y 30/may
      for( i=0; i<maxModels; i++ )
        if( model[i].modelActive )
          GeneratePeakCurveModels( j, i, typeSpace);
           if (singularity)
                   return 0;
        }
```

```
for(i=0; i<maxFiles; i++ )
{
    fit(Data[i],fit &&(Data[i],gotModifiedCurveAbs[typeSpace] || Data[i],gotModifiedCurveRe ||
        Data[i],gotModifiedCurveIm))
    {
        chisq = GetOneFitAndChiSqrModels(i, typeSpace);
        iff singularity )
        return 0;
        totalChisq+= chisq;
    }
    sprintf(label, "%8.4gi0", totalChisq );
    totalChisqLabel->Caption = label;
    totalChisqLabel->Caption = label;
    return totalChisq;
```

```
3
```

V. GetOneFitAndChiSqrModels()

```
float TFirm3::GetOneFitAndChiSqrModels( int k, int typeSpace )
{
    float chisq;
    switch (typeSpace)
    {
        case spaceK:
            chisq = GetOneFitAndChiSqrModelsAbs(k, typeSpace);
            break;
        case spaceR:
            chisq = GetOneFitAndChiSqrModelsReAndIm(k, typeSpace);
        }
    return chisq;
    }
```

W. GetOneFitAndChiSqrModelsAbs()

```
float TFirm3::GetOneFitAndChiSgrModelsAbs( int k, int typeSpace )
 int
                        i. i:
  float
                        chisq, total;
  int
                        numP=Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].numP;
  float
                        gar;
  double
                        area:
 double
                        totalArea=0;
  for(totalArea=0, i=0; i<maxModels; i++ )
    if( model[i].modelActive )
    ł
      totalArea += Data[k].fractionModel[i];
```

```
Datalk1.peak[i].active = model[i].modelActive:
    2
    else
      Data[k].peak[i].active = model[i].modelActive:
  Data[k] tota[Area = tota[Area:
  Data[k] FitCurveAbs[typeSpace] numP = numP
  Data[k] ResidualCurveAbs[typeSpace] numP = numP
  for( i=0: i<numP: i++ )
    Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].x[i] = Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].x[i];
    Datalkl.FitCurveAbsltypeSpacel.v[i] = 0:
     for( i=0: i<maxPeaks: i++ )
      if ( Data[k].peak[j].active )
         Datalkl.FitCurveAbs[typeSpace].v[i] += Datalkl.peak[i].peakCurveAbs.v[i] *
                                                                            Data[k].fractionModel[i]:
    Data[k].ResidualCurveAbs[typeSpace].x[i] = Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].x[i];
    Data[k] ResidualCurveAbs[typeSpace] v[i] = Data[k] ModifiedCurveAbs[typeSpace] v[i] -
                                                                            Data[k].FitCurveRe.v[i];
  1
  if( chisqLimits.useLimits[typeSpace] )
    for( chisg = 0, total = 0, i=0; i < numP; i++)
    ŧ
       if( Data[k], ModifiedCurveAbs[typeSpace], x[i] >= chisgLimits.leftLimit[typeSpace] &&
         Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].x[i] <= chisqLimits.rightLimit[typeSpace] )
         chisg += pow( Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].v[i] -
                                                 Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].v[i], 2 );
         total += pow( Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].v[i], 2 );
       3
    3
 else
    for(chisg = 0, total = 0, i=0; i<numP; i++)
      chisg += pow( Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].v[i] -
                                               Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].v[i], 2 );
      total += pow( Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].v[i], 2 );
  chisa = chisa / total :
  Data[k].chisq = chisq;
  Data[k].gotFitCurveAbs[typeSpace] = true;
  Data[k].gotParameters = true;
  plotFit[k]->Enabled = true:
  // til here
  return chisq;
} //borrar lo que sigue
```

X. GetOneFitAndChiSqrModelsReAndIm

float TFirm3::GetOneFitAndChiSqrModelsReAndIm(int k, int typeSpace)
{
 int i, j;
 float chisq=0;
}
```
chisaRe.chisaIm:
float
float
                       totalRe.totalIm:
                       numP=Data[k].ModifiedCurveRe.numP;
int
double
                      area:
                      totalArea=0:
double
for(totalArea=0, i=0; i<maxModels; i++ )
  iff model[i].modelActive)
  $
    totalArea += Data[k].fractionModel[i];
    Data[k].peak[i].active = model[i].modelActive;
  else
    Data[k].peak[i].active = model[i].modelActive;
Data[k].totalArea = totalArea:
Data[k].ResidualCurveRe.numP = numP:
Data[k].FitCurveRe.numP = numP:
Data[k] ResidualCurveIm.numP = numP;
Data[k] FitCurveIm numP = numP:
Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].numP = numP;
Data[k].ResidualCurveAbs[typeSpace].numP = numP;
for( i=0; i<numP; i++ )
1
   Data[k].FitCurveRe.x[i] = Data[k].ModifiedCurveRe.x[i];
   Data[k].FitCurveRe.v[i] = 0:
   Data[k].FitCurveIm.x[i] = Data[k].ModifiedCurveIm.x[i];
   Data[k].FitCurvelm.y[i] = 0:
   for( i=0: i<maxModels: i++ )
   if( model[i].modelActive )
     Data[k].FitCurveRe.y[i] += Data[k].peak[j].peakCurveRe.y[i] * Data[k].fractionModel[j];
     Data[k].FitCurveIm.y[i] += Data[k].peak[j].peakCurveIm.y[i] * Data[k].fractionModel[j];
   Data[k].ResidualCurveRe.x[i] = Data[k].ModifiedCurveRe.x[i]:
  Data[k], ResidualCurveRe.v[i] = Data[k], ModifiedCurveRe.v[i] - Data[k], FitCurveRe.v[i];
  Data[k].ResidualCurveIm.x[i] = Data[k].ModifiedCurveIm.x[i];
  Data[k].ResidualCurveIm.y[i] = Data[k].ModifiedCurveIm.y[i] - Data[k].FitCurveIm.y[i];
3
if( chisqLimits.useLimits[typeSpace] )
  for( chisqlm = 0, chisqRe = 0, totalRe = 0, totalIm = 0, i=0; i<numP; i++ )
     if( Data[k].ModifiedCurveRe.x[i] >= chisal.imits.leftLimit[typeSpace] &&
       Data[k].ModifiedCurveRe.x[i] <= chisqLimits.rightLimit[typeSpace] )
       chisqRe += pow( Data[k].FitCurveRe.v[i] - Data[k].ModifiedCurveRe.v[i], 2 );
       totalRe += pow( Data[k].ModifiedCurveRe.v[i], 2 );
       chisqlm += pow( Data[k].FitCurvelm.y[i] - Data[k].ModifiedCurvelm.y[i], 2 );
       totalIm += pow( Data[k].ModifiedCurveIm.y[i], 2 );
     3
  1
else
```

```
ŧ
    for(chisqIm = 0, chisqRe = 0, totalRe = 0, totalIm = 0, i=0; i<numP; i++)
       chisqRe += pow( Data[k].FitCurveRe.y[i] - Data[k].ModifiedCurveRe.y[i], 2 );
       totalRe += pow( Data[k].ModifiedCurveRe.v[i], 2 );
       chisqIm += pow( Data[k].FitCurveIm.y[i] - Data[k].ModifiedCurveIm.y[i], 2 );
       totalIm += pow( Data[k], ModifiedCurveIm.vli], 2 );
    3
  if ( totalRe!=0 && totalIm!=0 )
    chisaRe = chisaRe/totalRe
    chisalm = chisalm/totallm
  3
  else
   singularity = true:
   return 0
  chisa = chisaRe + chisaIm :
  Data[k].chisg = chisg;
ii generate FitCurveAbs from fitCurveRe and FitCurveIm
    for ( i=0; i<numP; i++)
      Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].x[i] = Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].x[i];
      Data[k].ResidualCurveAbs[typeSpace].x[i] = Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].x[i];
      Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].y[i] = sqrt( Data[k].FitCurveRe.y[i]*Data[k].FitCurveRe.y[i] +
                         Data[k].FitCurvelm.v[i]*Data[k].FitCurvelm.v[i]);
      Data[k].ResidualCurveAbs[typeSpace].y[i] = Data[k].ModifiedCurveAbs[typeSpace].y[i] -
                                    Data[k].FitCurveAbs[typeSpace].y[i];
    3
   Data[k].gotFitCurveAbs[typeSpace] = true;
   Data[k].gotFitCurveRe = true;
   Data[k].gotFitCurvelm = true;
   Data[k].gotParameters = true;
   plotFitR[k]->Enabled = true;
   // til here
   return chisa:
```

```
3
```

Bibliografía

- ¹ J. Mustre de Leon, J. J. Rehr, S. I. Zabinsky, and R. C. Albers. Phys. Rev. B 44, 4146-4156 (1991).
- ² M.A. Berding and A. Sher, "Electronic Quasichemical Formalism: Application to arsenic deactivation in silicon.
- ³ K.C. Pandey, A.Erbil, G.S. Cargill III, R.F. Boehme, "Annealing of Heavily Arsenic-Doped Silicon: Electrical Deactivation and a New Defect Complex"
- ⁴ A. Parisini, A. Armigliato et al, "EXAFS study of the localatomic structure in As⁺ heavily implanted silicon
- ⁵ D.J. Chadi, A. Antonelli y Efthimios Kaxiras, "Vacney in Silicon Recisted: Structure and Pressure Effect"
- ⁶ J. Mustre de Leon, J. J. Rehr, S. I. Zabinsky, and R. C. Albers. Phys. Rev. B 44, 4146-4156 (1991).

EL JURADO DESIGNADO POR LA UNIDAD QUERÉTARO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, APROBÓ LA TESIS DEL C. JOEL ANDRÉS CALDERÓN GUILLÉN TITULADA: "DESACTIVACIÓN ELÉCTRICA EN CRISTALES DE SILICIO ALTAMENTE DOPADOS CON ARSÉNICO", FIRMAN AL CALCE DE COMÚN ACUERDO LOS INTEGRANTES DE DICHO JURADO, EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QRO., A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2002.

DR. ALBERTO HERRERA GÓMEZ DIRECTOR DE TESIS



DR. SERGIO JOAQUÍN JIMÉNEZ SANDOVAL SINODAL

B hamile bon

DR. RAFAEL RAMÍREZ BON SINODAL

